電池活物質の充放電反応に 関する研究

竹原善一郎

電池活物質の充放電反応に 関 す る 研 究

竹原善一郎

電池反応とその研究方法 第1章 第1節 電池の反応 2 第2節 電池反応とその問題点 2 1. 電池活物質の電導性 3 2. 3. 4. 充放電反応の途中に,中間生成物の生成反応を 第3節 電池反応の研究方法 9 1. 電池反応の研究方法 9 2. 電極の作製と電位の測定 10 第2章 カドミウム電極放電時の現象 第1節 緒 言 第2節 第3節 各種放電条件による、カドミウム電極表面の 1. 定電流放電時のカドミウム電極の微細構造の変化 …………… 29 2. 各種放電条件による,カドミウム電極の表面状態の変化 33 3. 第4節 放電時におけるカドミウム電極の平衡電位 46

日

次

第5節 カドミウム電極放電時の過電圧
第6節 考 察
1. 放電時におけるカドミウム電極の平衡電位
2. 電解液を〔HCdO2〕で飽和した場合の,カドミウム
電極放電時の過電圧 57
3. 電解液が〔HCdO2〕を含まない場合の,カドミウム
電極放電時の過電圧 62
第7節結言66
第3章 酸化第二水銀電極放電時の現象
第1節緒言
第2節 実験方法 70
第3節 実験結果 73
第4節 考 察
1. 放電時における酸化第二水銀電極の平衡電位
 酸化第二水銀電極放電時の過電圧 82
第5節 不純物の影響 90
第6節 結 言
第4章 銀·過酸化銀系電極充放雷時の現象
第1節緒言
第2節 実験方法 103
第3節 銀・過酸化銀系電極充電時の現象
1. 銀・過酸化銀系電極充電時の現象
 2. 酸化銀生成領域における充電過電圧 115
3. 過酸化銀生成領域における充電過電圧
 酸素発生領域における過電圧

第4節 録・過酸化銀系電極放電時の現象 125
1. 銀·過酸化銀系電極放電時の現象 125
2. 酸化銀生成領域における放電過電圧 130
3. 銀生成領域における放電過電圧 132
第5節 酸化銀および過酸化銀の電解液中への溶解現象と
充放電過電圧 134
第6節 不純物の影響 134
第7節 結 言
本研究の総括および結論 144
謝辞

第1章 電池反応とその研究方法^{の ツ 2)}

第1節 緒 言

1800年にVoltaが異種金属間に起電力が生ずることを利用したVoltaの電池を発 見して以来,各種の電池がつぎつぎに発見され,すでに19世紀後半には,現在もつとも 多く使用されているマンガン乾電池,鉛蓄電池が発見されている。しかし,その製造に急 であつた反面,それら電池活物質の反応機構に関する基礎的研究は殆ど行なわれておらず, 最近,やつと内外の研究者によつて取りあげられつつある現状である。そのために,現在 もつとも多く使用されている,マンガン乾電池,鉛蓄電池の両極活物質の反応機構でさえ, 今日なお明らかでなく,統一した見解がない状態である。しかしながら,電池が燈火用電 源としてのみ利用されていた時代はすでに過ぎ,今日では,各種の精密測定用装置の電源, 宇宙工学用の電源などとして,開光をあびるようになつて来ており,高度な性能をもつた 電池の製作が要求されている。このような要求を満足した電池の製作は,従来の経験のみ をもつてしては困難であり,それら電池に使用する電池活物質の反応機構を正確に把握す ることによつてはじめて可能である。すなわち,電池活物質の充放電性能を改良し,性能 のよい電池を製作するためには,それら電池活物質の充放電機構を正確に把握し,これに 基いて,その反応抵抗になつている原因を充分に認識し,これら原因を低下させる方向に 活物質を改良していくことが望まれる。

本研究では、この点に着目し、とくに、最近特殊電源として脚光をあびつくある、ニツ ケル・カドミウムズアルカリ 蓄電池の負極活物質であるカドミウム、過酸化銀・亜鉛系蓄電泡の正極 活物質である過酸化銀、酸化第二水銀・亜鉛乾電池の正極活物質である酸化第二水銀を代表例 としてえらび、それら活物質の充電あるいは放電機構を解析した。すなわち、それら活物質の充電あるい は放電時における電位の変化および活物質内部および表面での微細構造の変化を観察し、これら の結果を対照として考察した。とくに、酸化第二水銀電極および過酸化銀電極になけては、各種の不純 物を添加し、それら不純物が充放電反応におよぼす影響をも調べた。これらの結果より、従来迄、 殆ど解明されていなかつた、これら活物質電極の充電あるいは放電機構を明らかにするこ とができ ,また ,この種研究が電池活物質の反応機構を研究するための適切な方法であると ことがわかつたのでこゝに報告する次第である。

第2節 電池の反応¹⁾

1. 電池反応とその問題点

性能のよい電池活物質は,起電力が高く,単位重量当りの容量が大で,しかも放電時の電 位変化が各種の外的条件のもとで,放電時間,放電電流に対して殆ど変化せず,放置時にお ける自己放電が小さいことを必要とする。さらに,この活物質が蓄電池として使用されるた めには,このほかに次の2条件が必要となる。

- (1) 充放電の化学反応が可逆的に進行するとともに,充放電の電気エネルギーについてもできるだけ可逆的である。すなわち,充放電時において他の副反応(たとえば,水の電解反応など)がおとりにくく,しかも充放電時の渦電圧が小さい。
- (2) 充放電による活物質の再生状態がよく,多数回反復が可能である。すなわち,活物質 が充放電のくり返しによつて脱落したり,不働態化してはならない。

電池の起電力を高くするためには,酸化力が大で,電極電位の貴な正極と,還元力が大で, 電極電位の卑な負極とを組み合せるとよい。しかし,水溶液を使用する低温型の電池におい ては,水を分解するような強力な酸化剤,還元剤の使用は不可能であり,起電力にも自ら制 限がある。すなわち,使用される電池活物質は特定の化合物あるいは金属に限られ,正極活 物質としては二酸化マンガン,過酸化鉛,過酸化銀,過酸化ニッケル,酸化第二水銀,酸化 第二銅などが,負極活物質としては亜鉛,鉛,カドミウム,鉄,マグネシウム,アルミニウ ムなどが使用されるに過ぎない。従つて,電池はこれら限られた電池活物質より作製される。

起電力がいくら高くても,電流を通じた場合の端子電圧が低いと実用電池にはならない。 端子電圧低下の原因には,電極,活物質,電解液などのオーム抵抗によるものと,分極と称 する反応抵抗によるものとがある。

また,活物質の単位重量当りの容量を大きくするには,軽量で,原子価の変化が大である うえに活物質の利用率が大であることを必要とする。活物質の利用率を大きくするためには, 放電によつて活物質が不働態化したり,また,疑集して表面積が小さくならないようにしな ければならない。 活物質の容量がいくら大であつても、電池を使用しないのに、活物質が自己放電によつ て消耗してしまうようでは、この活物質は電池活物質として使用することができない。

以上の観点より, 性能のよい電池を製作するためには, いかによい活物質を選ぶかゞ重要な因子となつていることがわかる。すなわち, よい活物質は活物質の充放電時におけるオ ーム抵抗, 分極抵抗が小さく, しかもその活物質自体が殆ど自己放電をうけないうえに, 放電によつて活物質が不働態化したり, 凝集してはならない。それ故, 電池活物質の改良 は, 活物質の充放電機構を十分に認識し, それに基いて, 活物質の充放電時におけるオー ム抵抗, 分極抵抗, 自己放電の原因を追跡し, さらに充放電時における活物質の不働態化, 凝集, 脱落などの原因をつきとめなければならない。

このような事実より,性能のよい電池活物質を製作するためには,まず第1に,それら 電池活物質での充放電機構を正確に把握せねばならないことがわかる。

現在迄,沢山の種類の電池が製造され,また提案されているが,それら電池活物質の充 放電機構はいまだ十分把握されていない。そこで,まず最初に,本研究で著者が行なつた 研究をも含め,最近内外で発表された研究結果を概観し,電池反応を研究していく場合の 問題点を指摘してみよう。

2. 電池活物質の電導性

電池活物質が,水溶液中で電極反応を行なうためには,電極は電導性でなくてはならない。ところで,電導性であるためには,電子伝導あるいは電解伝導を行ない得る必要がある。すなわち,電極は良導体であるか,半導体でなくてはならない。さて,電池活物質には,金属,水酸化物,酸化物,塩化物など種々なものがあるが,金属以外はいずれも共有結合あるいはイオン結合をした化合物であり,一般に絶縁体として知られているものである。それでは,これらの化合物が、どうして電導性を必要とする電池活物質として使用されるのであろうか。それは,これらの化合物はいずれも結晶格子内に各種の欠陥をもつた半導体となつているからである。鉛蓄電池の場合を例にとつてみよう。負極活物質は鉛で問題はないが,正極活物質には過酸化鉛が使用され,これは絶縁体である。ところが、十分充電された状態においても,過酸化鉛は化学量論的な組成ではなく,鉛原子がや、過剩にあり,その過剰の鉛原子は格子内に割り込んで入つている。この割り込んだ鉛原子は容易にPb⁴⁺となり,4ケの電子を放出しようとする傾向にある。そのために,74×10⁻⁴ ohm・cn という高い電導性を示し²⁾,N型半導体として,電池活物質となり得るのであ

る。また,過酸化銀・亜鉛系蓄電池の正極活物質である過酸化銀は化合物中にO²⁻が化学 量論比よりも過剰にあり³⁾,P型半導体として,電池活物質となり得るのである。

このような,金属または半導体では,自由電子,格子間に入つた電子,または格子点に 存在する正孔のために,電子伝導を示すが,これのみでは,十分に電池活物質としての性 質を示し得ない。すなわち,充放電の中間状態,放電末期の状態においても電導性を示し, さらに,二次電池の場合には,充放電の反応が活物質の脱落などを伴なわないで,容易に 起らなければならない。このためには,電子伝導および電解伝導の両者が,同時に起る型 の固相反応によつて,充放電反応が行なわれる(原子価制御の半導体になる場合,例えば 過酸化ニッケル活物質など)か充放電反応の途中に中間生成物を生成し,これが速やかに 崩壊して,活物質とは別の相に最終生成物を遊離して充放電反応が進行する(例えばカド ミウム活物質,酸化第二水銀活物質など)型の活物質が望ましいわけである。

3. 固相反応のみで電極反応が行なわれる場合

この型の代表例として,ニッケル・カドミウム式アルカリ蓄電池の正極活物質である過酸化ニッケル活物質をあげることができる⁴⁾。

ニッケルには,Ni²⁺ ,Ni³⁺ ,Ni⁴⁺が存在し、そのために、過酸化ニッケル電極では,充放電の各段階で,混合原子価状態による半導性を示し,電子伝導を行なつて電流は流れ得るのである。

ところで、電流を通過するのみでは、活物質としての資格はない。すなわち、固相反応 のみで電気エネルギーを蓄積したり、放出したりするためには、低級酸化状態より高級酸 化状態への結晶の転位が容易であることおよび固相内でのイオンの移動が容易に起らな ければならない。過酸化ニッケル電極では、充電により生成される高級酸化物は、NiO₂ および β – NiOOH であり、これらの化合物は放電生成物であるNi (OH)₂ と同一の 層格子をした六方晶系に属している。故に転移は容易である。また一方、充放電中に結晶 中を移動するイオンは、イオン半径の小さい H⁺であり、しかも、その H⁺の結晶中にお ける結合は大変弱い(O – H結合がヒドロキシル結合をしているため)ので H⁺は結晶内 を動き易い。即ち(1・1)式に示されたような変化によつて、過酸化ニッケル電極の充 放電反応は、電子伝導および電解伝導を伴ないながら進行していると考えられる。



酸化ニッケル電極においても、このような挙動をするかと云うと、そうはいかない。す なわち、NiO は面心立方格子をしており、O²⁻は結晶中を動きにくい。O²⁻を動かそう と思うと、外部より相当大きいエネルギーを加えてやる必要があり、いきおい過電圧が大 きくなる。両極では水電解のみが行なわれ、電池の充放電反応は行なわれない。すなわち、 NiO ではその表面のみで反応がおこり、容量は表面積にのみ比例した結果を示す。

4. 充放電反応の途中に,中間生成物の生成反応を伴なう場合

ところで、電解伝導を行ない得ないものは、電池活物質たり得ないかと云うと、そうい う訳ではない。電極の電解液に接した表面層では、幾分結晶が歪んでおり、電解伝導は当 然起る訳で、そこで多分中間的な生成物が出来るであろう。この中間生成物は多分半導体 的性質を持つたものであろうと思われる。また、この生成物は特にその結晶系がもとの結 晶系と異なる場合には大変不安定なもので、結晶化も充分起つていないであろう。そのた めに、この中間生成物被膜を通して、電子伝導、電解伝導が行なわれる。しかしながら、 この中間生成物の分解速度がもし遅いと、この中間生成物が電極面に蓄積し、充放電時に 著しく大きい分極を生ずる原因となる。それ故、この種活物質が電池活物質となるために は、充放電の途中で生成する中間生成物の分解速度が大で、しかも分解生成物が反応面よ り別の相に生成するか、さもなければ、分解生成物は電子伝導、電解伝導をともに行なう ような物質でなくてはならない。酸性溶液中での二酸化マンガン電極の放電反応は、すで に吉沢、W.C.Vosburgh により(1・2)式に従って進行することが報告されてい る。5

 $2MnO_2 + 4H^+ + 2e \xrightarrow{ka} 2Mn < O_{OH} + 2H^+$

すなわち,中間生成物としてMnOOHを生じ,これが不均一化反応によつてMn²⁺となり, 溶液中に溶解し,常に新しい電極面を作つて,放電が進行する。また,カセイカリ溶液中 での酸化第二水銀電極の放電反応は,第3章に述べられているように(1・3)式に従つ て進行する。⁶⁾

すなわち,中間生成物として Hg_2O を生じ,この Hg_2O がHgO中に固溶体として存在する。このような状態における Hg_2O は不安定でこれは不均一化反応によつてHgとなり,HgOとは別の相に析出する。しかも,このHgは金属であり,電子伝導を行なうことができるので,HgO表面に電極本体より電子を供給することができ,さらに液体金属であるため,電極面を移動し易く,常に新しいHgO表面が電解液と接する状態を維持して,小さい分極で放電を進行させることができる。

しかし,二酸化マンガン電極のように,放電生成物が溶液中に溶解するのみであつたり, 酸化第二水銀電極のように,放電生成物が水銀であり,この水銀は液体金属であるため, 広い表面積を作製することが困難であり,しかも,電解的に酸化することが困難であるも のでは,一次電池の活物質としては使用することができるが,二次電池の活物質としては 使用できない。二次電池の活物質として使用されるカドミウム電極のカセイカリ溶液中で の放電反応は,第2章で述べられているように(1・4)式に従つて進行する⁷⁾。

$$Cd + OH \xrightarrow{\underline{h} \approx} CdO + H^{+} + 2e$$

$$\begin{array}{c} + OH^{-} \\ (\overline{R} \ R) \end{array} (HCdO_{2})^{-} \\ \hline H^{+} \\ \hline (\overline{H} \overline{h} \overline{h}) \end{array} Cd (OH)_{2} \qquad (1 \cdot 4)$$

カドミウム電極では、二酸化マンガン電極のように放電時に生成する中間生成物(CdO) が溶液中に溶解するが、さらに、この溶解した錯イオンが再びCd(OH)₂ として電極面 に保持される。しかも、このCd (OH)₂ は三次元的に電極面にひろがり、広い表面積を 保持するため、充電によつて、Cd に容易に還元することができる。従つて、カドミウム 電極は二次電池の活物質として、その機能を発揮することができるわけである。鉛蓄電池 正極活物質である過酸化鉛電極も、最近、碇、吉沢によつて報告されているように硫酸溶 液中で(1・5)式に従つて放電し、中間生成物である $(Pb^{4+}, Pb^{2+}, 2OH^{-})$ 固 溶体を経て、最終的に PbSO₄ に変化し、電極表面に放電生成物が保持されるので、二次 電池活物質となることができる⁸⁾。

 $2PbO_{2} + 4H^{+} + 2e \xrightarrow{ka} (Pb^{4+}, Pb^{2+}, 2OH^{-})_{\exists \ddot{R}\dot{R}\dot{R}} + 2OH^{-}$ $\xrightarrow{\underline{K\dot{Q}}-\underline{Kc\ddot{R}}} PbO_{2} + \underline{Pb}^{2+} + 2H^{+}$ $+SO_{4}^{2-} \qquad PbSO_{4} \qquad (1 \cdot 5)$

電池活物質には,充放電時に生成する中間生成物が安定な場合,この生成物がさらに電 解的に酸化あるいは還元され,最終的に電解伝導および電子伝導を行なう化合物に変化する 型のものも使用されうる。この場合は,活物質が溶液中に溶解したり,不均一化反応を受け たりはしないので,活物質は先に述べた固相反応のみで電極反応が行なれる場合と同様, そのままの位置で充放電反応が進行する。従つて,活物質が充放電時に脱落することが少な く,二次電池活物質に適する。代表例として,第4章で述べられている般電極の充電反応 をあげることができる⁹⁾。銀電極は(1・6)式に従つて2段に酸化されて,充電生成物 であるAgO に変化する。

 $2Ag + 2OH^{-} \xrightarrow{\pi^{2}} Ag_{2}O + H_{2}O + 2e$ $Ag_{2}O + 2OH^{-} \xrightarrow{\pi^{2}} 2AgO + H_{2}O + 2e$ $(1 \cdot 6)$

この反応において,まず最初に生成するAg₂O は,電解伝導および電子伝導をともに行 ないにくいので,Ag₂O 被膜が生成していくと充電反応は停止する。ところが,そのよ うな状態になるとAg₂O はさらに酸化され,AgO に変化する。AgO は酸素を過剰に 含んだP型半導体であり,しかもAgO 内でのO²⁻の拡散が容易であるため,電解伝導お よび電子伝導をともに行なうことができる。従つて,銀電極の充電反応は停止することな 5. 不純物の影響

電池活物質に対する不純物の影響については,とくに,自己放電を促進させる不純物と か、二次電池活物質においては、充放電時に活物質の凝集を促進したり、活物質の不働態 化を促進するような不純物についての研究が盛んに行なわれている。これは、電池製造時 において、これら不純物が活物質あるいは電解液中に混入すると、著しく電池性能が損わ れるためである。しかし、これは消極的な電池性能の向上法であり、さらに今迄より性能 が向上するような添加剤を探索していくことも重要である。本章ですでに述べたように, 電池反応は活物質を通して電解電流と電子電流の両電流が流れることにより促進される。 従つて,電池活物質は充放電中,常に電解伝導体であり,しかも,電子伝導体でなくては ならない。従つて, 充放電生成物に, 電解伝導性, 電子伝導性を附与するような不純物を 活物質に添加することにより電池性能を今迄よりさらに向上させることが可能となる。ま た, 充放電時に中間生成物の生成を伴う活物質にあつては, 中間生成物の分解速度を促進 させるような不純物を活物質に添加することにより充放電時の過電圧を小さくすることが できる。前者は、活物質に原子価の異なつた金属を添加して、半導体の原子価制御の理論 によつてその格子欠陥濃度を変化させてやることにより可能である。例えば、第4章で述べ られているようにAg2O, AgOのようなP型半導体である活物質を使用する場合はAg+, Ag^{2+} よりも高原子価の Pb⁴⁺, Sn⁴⁺を微量添加することにより電池性能を向上させる ことができる 9)。また,後者に対しては,第3章で述べられているように,例えばカセイ カリ溶液中でのカドミウム電極に対するニツケルの影響をあげることができる7)10)。 すなわち,カドミウム電極の放電時において,電解液中に溶解した [HCdO。] が Cd (OH)2 として電極面に析出する場合ニッケルが結晶核となり,析出反応が促進され, ひいては,放電時の中間生成物であるCdOの分解速度が促進されるわけである。

また,後者に対しては第4章で述べられるように,カセイカリ溶液中での酸化第二水銀 に対するカドミウムあるいはインジウム不純物をあげることができる。これら金属は放電 時の律速段階である不均一化反応を著しく促進させるため,放電過電圧を低下させる作用 を示す。しかし,この場合は,放電時の第1段階である中間生成物の生成反応を自然に進 行させる作用をもつ(アルカリ溶液中でカドミウムおよびインジウムは水銀よりもイオン 化し易く,自らは酸化されて,水銀を還元しようとする作用をもつ)ため,自己放電を却

-8-

って促進する結果となり,非常に有害な不純物となる。

11),12) 第3節 電池反応の研究方法

1. 電池反応の研究方法

第2節において述べたように、電池活物質はそれぞれ特有の反応を示すが、いずれも、 電極反応を伴なうものであり、その反応機構を正確に把握し、分極抵抗の原因になってい る律速段階を見きわめることが、電池性能の向上のために重要であることがわかつた。電 池反応は、第2節において述べたように、いずれも、複雑な固相反応を伴なう反応であるが、 その固相中での反応は普通の化学反応とは異なり、イオンが関与する反応である。従つて、 固相での電極反応を解明する手段として、今迄水溶液電解の反応機構を追跡するために用 いて来た、理論や研究方法を少し修正してそのまゝ適用してもよいことがわかる。その上、 水溶液の電解反応の追跡の場合とは異なり、この種反応では充放電反応によって、電極自 体が変化していくため、反応機構を追跡する補助手段として、顕微鏡、電子顕微鏡によつ て電極面の変化を観察し、さらに、その変化をX線回折、電子線回折によって追跡すること が可能となる。従って、電池活物質の充放電機構を追防するためには、次に列挙した方法 を採用し、これら研究結果を総合して、電池活物質の充放電機構を解明していけばよいこ とがわかる。

- (1) 水溶液の電解反応の解析に用いられる各種研究方法の適用
 - (i) 平衡論的研究
 - (a) 熱力学的数値の計算
 - (b) 電気化学的測定一平衡電位
 - (ii) 反応機構論的研究
 - (a) 反応速度の理論計算
 - (b) 充放電電流と過電圧の関係
 充放電中の電位変化
 充放電時および開路時の過渡現象の追跡
 - (c) 半導体理論,非可逆熱力学の適用

-9-

(d) 反応分布の追跡

(2) 電極の状態変化の追跡

- (i) 化学分析的な化合物の確認
- (ii) 顕微鏡,電子顕微鏡による活物質の形状変化の追跡

(iii) X線回折,電子線回折による,充放電時に生成する化合物の確認

本研究では,上記研究方法を採用して,数種の電池活物質の充放電機構の解明を行なつ た。つぎに,これら方法を電池活物質の解析に適用する場合の問題点について考察してみ よう。

2. 電極の作製と電位の測定

電池活物質の充放電機構を,水溶液電解の反応機構を解明する場合と同様,電流と電位の測定結果より考察していくためには,再現性のよい,しかも,測定しようと思う反応以 外の反応がその結果に混入しないような電極の作製が重要となつてくる。

再現性のある結果をうるためには,電極の表面構造,厚さなどがいつも同一でなくては ならない。また,電池活物質の電極反応のみを解析するためには,充放電時に,充放電生 成物中でのオーム抵抗による電位降下や,電解液中におけるイオンの拡散のおくれによる 電位降下が,再現性悪く測定結果に加わつてくるようでは困る。また,電位の測定を行な う場合,反応面がどこにあるかということが重要であり,反応面の位置が巨視的に変化す るようでも困る。

実用的に使用する極板は容量の大きいことを必要とし,大量の活物質をその保持体に充 塡するため,電極内部への電解液中のイオンの拡散が遅くなる。また,充放電時に生成す る電子伝導性の悪い化合物のため,充放電中におけるオーム抵抗が大となり,それを防ぐ ため,目的とする活物質以外の他の電子伝導性の化合物あるいは金属を活物質中に加えて いる。そのため,測定中に,充放電反応以外の反応が混入し易い。また,活物質の量が多 いため,充放電時の反応面が,巨視的に充放電の進行につれて変化する。

また,実用の活物質はその作製方法の僅かな違いにより,その反応性とか,電導性を異 にし,また,活物質保持体への活物質の充填条件の僅かの違いにより,その電池特性は変 化していくことが予想される。

従つて,実用の電池極板をそのま、使用して,それら活物質中での充放電機構を追跡す ることは不可能である。すなわち,活物質の厚さを出来るだけうすくして電極表面で充放 電反応がおとるようにし,しかも,この電極での充放電時のオーム抵抗を小さくするため, 電子伝導体で,しかも目的の活物質の充放電反応には無関係な金属で,この活物質薄膜を 裏うちする必要がある。この目的にかなう電極として,本研究では,同一金属表面を得る 目的で,同一処理した金属板の表面をアルカリ浴中で電解酸化して,金属表面に薄い酸化 被膜を作製し,これを活物質として使用した。とくに,絶えず同一表面を得る目的で金属 板の代りに,白金板上に同一電析条件で,目的の金属を電析させたものも使用した。この 種電極は電析条件さえ一定にしておけば常に同一の電極面を作製することができ,再現性 は極めて良好であつた。個々の電極についての作製条件は第2章以下で詳述する。

このような電極を使用し,充放電時の電位変化を測定する場合には,目的の電極の電位 変化を忠実に測定するとともに,電極の表面では常に等電位が保たれるよう注意せねばな らない。この点に関しては,すでに著者らが「電気化学」に報告した,食塩水溶液電解時の陽極 反応に関する研究¹³⁾の場合と同一の方法を採用すればよい。本研究では10µ程度の薄 い電極での固相反応を追跡すればよいので,電極中でのオーム抵抗による電位降下が殆ん と無視でき,固相反応を伴なわない水溶液電解の場合と同一の方法が採用できるわけであ る。

図1・1に実験に使用した電解槽の模型図を示した。

充放電実験はすべて図1・1に示したような回路により,定電流のもとで行なった。電 流は外部より強制的に流し,その変動を少なくする目的で,鉛蓄電池を10ヶ直列に接続 し,大きい抵抗(R)を通して流した。電位の測定は直接ルギン毛管を使用して行なった。 ルギン毛管は尖端の外径が約0.4 mgのものを使用した。また,電極を挿入する電極保持体 をガラスあるいはアクリル酸樹脂で作製し,これに,ルギン毛管も取りつけることにより, ルギン毛管の尖端と電極との間隔を常に2 mmに保つた。また,ルギン毛管による,電極面 の遮蔽が出来るだけおこらないように注意して,ルギン毛管を作製し,取りつけた。著者 らが「電気化学」にすでに報告した食塩水溶液電解時の陽極反応の研究¹³⁾において,電 極とルギン毛管の間隔を種々変化させて電極電位を測定した結果は,本研究に使用したと 同じ型のルギン毛管の使用により,図1・2のような結果を得た。この結果は,ルギン毛 管を電極面より1 mm以内に近づけると電位の測定に対して,ルギン毛管による電極面の遮 蔵効果が現われて来るが,約1 mm以上離すと,電極とルギン毛管との距離の変化による電 位勾配は電解液の抵抗による電位降下のみによつて生ずることを示す。従つて,この種ル ギン毛管の使用では,電極とルギン毛管の間を1 mm以上に保ち,その間のオーム抵抗によ

-11-



- a:試験電極, b:相手極(白金板を使用)
- c : ルギン毛管, d : 塩橋, e : 照合電極
- f:隔膜,g:窒素ガスまたは酸素ガス
- h : 相手極で発生するガス, i : gで使用したガスおよび a で発生するガス
- j : 電解液
- A: 電流計, B: 鉛蓄電池, R: 抵抗
- P : 自記電位差計あるいはブラウン管オツシロスコープ

図1.1 実験に使用した電解槽の模型図



図1・2 陽極面とレギン毛管の尖端との間の距離と電極電位との 関係

(電解液:飽和食塩水 (pH 4),浴温35℃)

る電位降下を電位の測定値に対して補正するのがもつとも好ましいわけである。本研究で は,ルギン毛管と電極との間隔を2輛に保ち,この間のオーム抵抗による電位降下の補正 は,電解液の電導度を測定し,その測定値より計算によつてオーム抵抗による電位降下を 求めることによつて行なつた。照合電極は本研究においてはすべてカセイカリ溶液を電解 被として使用したので,カセイカリ溶液中でもつとも安定な電位を示すHg/HgO/KOH 電極を使用した。カセイカリの濃度は夜間起電力を除去する目的で実験に使用したカセイ カリ溶液と同濃度のものを使用した。Hg/HgO/KOH 電極の電位は酸化第二水銀(HgO) の作製条件とくに酸化第二水銀粒子の大きさにより,僅かに変化することが三宅¹⁴⁾ によ り報告されている。従つて,本研究では酸化第二水銀は**すべて同一条件**(30°Cで0.5規定 カセイカリ溶液 1 ℓ 中へ0.4規定昇汞 1 ℓ を加えることにより作製)で作製した酸化第二 水銀を約2週間 0.5 規定カセイカリ溶液中に放置し,熟成した状態で使用した。長期間熟 成することにより,電位の変動を 1mV 以内におさえることができた。

電池反応を研究する場合,電極面での電流分布が不均一であると,実測値の解析が著し く困難である。従つて,電極面での電流分布を出来るだけ均一にするようにしなければな らない。従つて,本研究では,アクリル酸樹脂で角型電解槽を作製し,この中に電極を挿入 することにより,電流分布の均一化をはかつた。例えば,塩酸溶液中での塩素発生時の陽 極反応において,黒鉛陽極を直接ガラス槽に垂直に入れた場合と図1・3のような角型電 解槽に挿入して後,ガラス槽に入れた場合とではその電極表面での電位分布は図1・4の ように後者の方が均一となる。また,カセイカリ電解液中でのカドミウム電極の充放電反 応の研究において,角型電解槽を使用せず図1・5のように電極を直接ガラス槽中に入れ て充放電反応を行なわせた場合には,写真1・1に示してあるように,カドミウム電極充 放電時の電極上での活物質の変化が電極上の場所によつて異なり,図1・4の場合と同様



a: 黒鉛陽極 b: 隔 膜 c: 溢流孔

図1・3 アクリル酸樹脂で作製した角 型電解槽の模型図

ち,電極の周辺部では中心部に比べてカドミウ ム電極表面の変化が著しく,また,統計的に眺 めて反応部分に対して未反応部分の占める割合 が小さい。このような事実より,この種研究に は,特に電流分布に注意せねばならないことが わかる。

電極の周辺部で電流分担率が大となる。すなわ

電池反応は電解液中に含まれる微量の不純物によつて著しく影響をうける。とくに,酸素や炭酸イオンによる影響が著しい。従つて,カセイカリ電解液は試薬特級のカセイカリを使用して作製し,炭酸イオンは水酸化パリウムを電解液に添加し,炭酸パリウムとして除ー14-



- (a) 図1・3に示した角型電解槽を使用した場合
- (b) 電流分布を考えなかつた場合

図1・4 垂直型電極表面での電位分布

(電解液:塩素で飽和した 0.97 規定塩酸溶液 2A/dm² で電解した場合のHg/Hg,Cl 2/3.5N・KC1 基準の陽極 電位を示す。)



a : 試験電極 (カドミウム電極)

b :相 手 極 (白金電極)

図1・5 カドミウム電極充放電試 験用電解槽



HIIII

- (a) 0.17 mA/dm² で放電終了後の電極面周辺部における電極表面
- (b) 0.17 mA/dm² で放電終了後の電極面中心附近における電極表面
- (c) 0.17 mA/am² で放電終了後の電極面周辺部における電極表面
- (d) 0.17 mA/dm² で放電終了後の電極面中心附近における電極表面
 - 写真1・1 カドミウム電極充放電時の電極表面の状態(電極上の位置による 反応性の比較,25℃,4.4 規定カセイカリ溶液(CdOで飽和) 中で充放電を行なう。電極作製条件は第2章第3節脚注3(29 頁)と同一である)

去した。また、電解液中に溶存する酸素は、400~450 ℃ の銅組上を通して精製を行 なつた窒素を通気し、約0.1 µA/ma/m のポーラログラフ感度で酸素のポーラログラフ波 が認められなくなる迄除去した。また、この窒素をある場合は充放電実験中も通気し、電 解液の攪拌を行なつた。また、実験中窒素を通気しない場合には、溶液面上にパラフィン を流し、外気と遮断した。相手極で発生するガスの影響を避けるために両極間隔を広くと るとともに、その間は耐アルカリ性のセロフアン隔膜で遮断した。

以上のような注意を払って,充放電試験を行ないながら,電位の測定を行なった。電位 の変化はその変化が遅い場合は自記電位差計(電位測定範囲:0~100 mV,ペン速度: $4.5^{cm}/min$,12^{cm}/min,感度:100 mV の変化に対して7 sec 以下)を,その 変化が速い場合はプラウン管オツシロスコープ(内部抵抗:500 KΩ, 電位軸は100 mVが2^{cm},時間軸は0.9~23×10³ ^{サイクル}/sec まで測定可能)を使用し測定した。 自記電位差計による測定の場合,測定電位が100 mV以上のときは,被験電池の逆方向に 電位差計を接続し,適当な電位を逆方向に被験電池に加えることにより,測定電位を 100 mV以下に保つて測定を行なった。

以上の方法を採用することにより,極めて再現性よく,充放電時の電位変化,電位変化 の過渡現象を追跡することができた。

3. 電池活物質の充放電時における変化の観察

充放電反応の進行とともに、電池活物質がどのように変化していくかを観察することは、 また充放電機構を解明するための補助手段として重要である。とくに、電極面の微細構造 の変化を追跡するためには電子顕微鏡を使用して、その変化を観察することができればも っとも好ましい。電子顕微鏡によつて、物質の変化過程を追跡する方法はすでに岡田・鈎¹⁵⁾ によつて、特定個所鏡検法なる方法が報告されている。しかし、この方法は、レプリカ操 作によつて鏡検すべき面が破損されないということを前提とした方法であり、本研究で取 り扱う電池活物質のように、電極表面が緻密でなく、活物質粒子同志の密着性の悪いもの に、この方法を適用した場合は、レプリカ操作によつて、電極表面が著しく破損され、忠 実度、再現性が乏しくなる欠点をもつ。従つて、本研究ではこの方法を断念し、同一条件 で多くの試料を作製し、これらの試料をそれぞれ各充放電段階まで充放電し、各状態のも のに対して別個にその表面を観察し、数多くの観察結果より、表面状態の変化を追跡する 方法を採用した。また、一つの状態に対しても、電極面の名場所より、数多くの写真を撮 り、それらの写真を、全体的に眺めて解析を行なつた。

具体的な試料の作製方法を第2章で述べられているカセイカリ溶液中でのカドミウム電 極の放電機構の解析を行なつた場合に採用した方法を例にとつて説明してみたい。

一度に数多くの試料を作製する必要上,メッキ基板が一枚では不便である。そこで,メ ッキ基板として白金を使用するのを断念し,ニッケル板を使用した^{*1}。基板の差による 試料差を極力避けるため,羽布研磨したニッケル板を700℃で30min 水素気中で焼 きなまし.一夜徐令後,2×1.5 cmの大きさに切断し,これをニッケル塩を溶解させたリ ン酸中で電解研磨し,十分洗滌したものを,メッキの基板として使用した。ニッケル基板 の表面状態は,写真1・2に示すようなものであつた。このようにして作製したニッケル 基板の両面に,第2章,第2節で述べるような種々な条件でカドミウムメッキを行ない, さらに,その表面をカセイカリおよび硝酸カリを含む電解液中で陽極的に一部酸化し^{*2}, さらに,これをカセイカリ溶液中で還元し出発電極とした。



さらに、この種電極の充放電反応による変化を追跡するに際しての困難な点は、自己放電の現象である。すなわち、電子顕微鏡で試料を観察するまでに、試料が変化したのでは、何の観察を行なつているのかわからなくなる。

- 写真1・2 カドミウム電極作 製時の基板に使用したニ ツケル基板表面の電子顕 微鏡写真
- ★ 1. 銀・過酸化銀系電極の充放電機構を解析する場合には、カドミウム電極とは異なり、 白金と銀との間の親密性が弱く、充放電試験後容易に白金より銀メッキ面が剝離できる。 従つて、素地金属には、この場合にはすべて白金板を使用した。
- *2. ニッケル板にカドミウムメッキを施したものでは,有効表面が小さいため,容量が 小さく,再現性が乏しくなる欠点がある。そのために,厚メッキ後,カセイカリ,硝 酸カリ混合溶液中で陽極酸化し,活性化する方法を採用した。この方法の適用により, 容量が著しく大となり,また,再現性も著しく改善した。

P.Hersch¹⁶⁾によると,カドミウム電極の自己放電は,酸素ふん囲気中で著しく大と なる。すなわち図1・6に示したような機構で,自己放電が促進されるわけである。これ らのうち,BおよびCの原因をなくするためには,試料作製に際して,酸素ふん囲気中よ り,試料を遮断してやる必要がある。そのため,充放電実験は図1・1のような電解槽を使用して窒



- (A) 相手極での水素発生による影響
- (B) 酸素の吸収による影響
- (C) 気相,液相,固相界面の影響

図1・6 カドミウム電極の自己放電機構

素ふん囲気中で行なつた。試料電極の、電極電位を測定しながら,目的の状態まで充放電 を行ない,その後直ちに電極をとりだし,窒素ふん囲気中で,窒素を飽和した蒸溜水で短 時間洗滌し,その後エタノールで洗滌,乾燥後直ちに15%ポリスチレンを含むベンゼン 溶液中に浸せきした。その後,電極をとりだし,窒素ふん囲気中で乾燥した^{*3}。乾燥後, 電極よりポリスチレン被膜を剝離し,これをレプリカ膜として使用した。このようにして 作製したポリスチレン被膜は,他の合成樹脂被膜より忠実度がよかつた。

電池活物質の場合は,他のメツキ面にくらべて,表面粒子間の密着力が弱く,そのため,

• 3. 電位遮断後、ポリスチレンで電極を被覆するまでの操作は5min 以内で行なつた。 ポリスチレンで電極を覆つてしまう迄のすべての期間を窒素ふん囲気中で処理すれば、 自己放電を防ぐ点よりはよいが、この場合には操作に長時間を要し、第2章第3節に述 べているように、放電生成物であるCd (OH)2 粒子の凝集が起る。従つて、僅かの自 己放電による表面状態の変化を少々犠牲にしても、本研究で採用した方法の方が好まし い。たゞ、空気中に約30min 湿潤した状態で電極を放置すると自己放電が促進し、 結晶が発達することが電子顕微鏡観察の結果確認された。 電極より剝離したレプリカ膜の膜面には,大量の活物質が附着してくる。すなわち,写真 1・3(b)に示すように,活物質(Cd(OH)2およびCd)の外形しかわからない。し かも,この写真に示されたCd(OH)2粒子自体も,空気中での放置および電子線照射に より変形している可能性がある。それ故,この膜面に附着した粒子をとりのぞかなけれ



- (a) レプリカ面に附着した粒子を除去して後撮影
- (b) レプリカ面に附着した粒子を除去しないで撮影
 - 写真1・3 0.17 mA/dm² で放電終了後の電極表面の電子顕微鏡 写真(25℃,4.4 規定カセイカリ溶液(CdOで飽和) 中で放電を行なう。電極作製条件は第2章第3節風注3 (29頁)と同一である。)

ばならない。 膜面より, この粒子を溶解し去るには, 80 °C, 40 % 硝酸中に30 minレ プリカ膜を浸せきする必要がある。ところが,この操作を行なうと,レプリカ膜にしわが 入り,正しい写真は得られない。そこで図1・7(a)のような操作により,物理的に附着粒 子を剝離する方法を採用した。すなわち,粒子に附着しているレプリカ膜の膜面にポリビ ニルアルコール溶液を流し,乾燥後,このポリビニルアルコール被膜を剝離する操作を5 回以上繰り返すと大部分の附着粒子が除去できた。この操作の途中,数回,電極面を稀硝 酸(10%以下の硝酸)で洗滌してやるとさらに鮮明な写真が得られることがわかつた。 このようにして,粒子の附着していないポリスチレン被膜を作製し,その後は,ポリスチ レン・クロム二段レプリカ法(クロム蒸着,クロムシャドーイング)を採用して,電子顕 微鏡用レプリカ膜を作製した^{*4}。

電極表面だけでなく,同時に電極の内部まで電子顕微鏡で観察することができれば,研 究をすゝめていくのに都合がよい。銀・過酸化銀系電極は白金板の上に銀メツキを行ない. この表面をカセイカリ・硝酸カリ混合溶液中で陽極酸化して作製した。この電極を,特定 の段階迄充放電し,その状態での活物質の裏面を見る方法を考案した。図1・7(b)に示し たような方法を採用することにより,目的を達成することができた。すなわち,充電生成 物である銀の酸化物は水銀とアマルガムをつくらないが,素地金属上にある銀面および放 電生成物である銀は水銀とアマルガムをつくるので,電極裏面より水銀を流してやると 銀のみが溶解除去される。従つて,最後に銀酸化物の粒子のみが残り,これら粒子の裏面 が観察できるわけである。たゞし,これら操作はすべて窒素ふん囲気中でやらねばならな い。さもないと,銀が酸化され,忠実な状態が観察できないおそれがあるからである。

充放電時において電極面上にはどのような化合物が存在するかを調べるには,電極表面 のX線回折を行なえばよい。しかし、この場合もX線回折をやつている間に試料が変化す るようでは困る。そこで,本研究では電子顕微鏡で観察するための試料と同一条件で充放 電試験を行なつた後,レプリカ膜作製時と同様な操作によつてエタノール洗滌まで行ない, その電極を5%のポリスチレンを含むベンゼン溶液中に浸せきし,うすいポリスチレン被 膜を電極面上に作製した電極を保持わくに固定し,X線回折を行なつた。この電極では表 面にうすいポリスチレン被膜があるため,外気より遮断され,試料変化が少ない。また, ポリスチレン被膜は大変うすく,X線は十分に透過するので,測定結果に与える影響は少 なかつた。

X線回折では、電極表面に存在する微量の生成物を確認することはできない。そのため には、電子線回折を採用することが望まれる。電極の表面を電子顕微鏡で眺めながら、ど の位置にどのような化合物があるかを確認し、また、その化合物は電子線照射によつて安 定かどうかを観察する必要がある。そこで、本研究では、図1・7(a)の cの状態のレプリ カ膜を使用し、このレプリカ膜に附着している粒子の電子線回折を行なう方法を採用した。 すなわち、cの状態のレプリカ膜にクロム蒸着(後の操作に困難をきたさない程度に、で きるだけうすく蒸着した。)を行ない、これをベンゼンに溶解し、残つたクロム薄膜の電

^{*4} 銀・過酸化銀系電極では, アクリル酸樹脂・カーボン二段レプリカ法(たいし,シャ ドウイングはクロムを使用)を採用した。



^{【2222222222 ← (}カドミウム活物管)

(a) カドミウム電極表面観察のためのレプリカ膜作製法



(b) 銀・過酸化銀系電極裏面観察のためのレプリカ膜作製法

図1・7 電子顕微鏡観察のためのレプリカ膜作製法

子線回折を行なつた。このような状態では**蒸**37 ロムは非結晶質で電子線回折像を示さな かつた。予備実験の結果,カドミウム電極の場合はその生成物は電子線によつて変化しな いが,銀・過酸化銀系電極,酸化第二水銀電極では活物質は電子線によつて変化し,AgO はAg₂O,AgへとAg₂OはAgへとまたHgOはHgへと変化していくことが確認された。 従って,本研究に含まれる各種の電極のうち,カドミウム電極の場合に対してのみ電子線 回折を適用することができた。

第4節結 言

本章においては,性能のよい電池を製作するためには,まず第1に,その電池に使用さ れる正負両極活物質の充放電機構を追跡し,これをもとにして,電池活物質の改良,また, よりよい電池活物質を探索していくべきであることを力説した。しかし,電池活物質の 充放電機構は現在までのところ十分に認識されているとは云い難い。従つて,本研究では, 電池活物質の反応機構を追跡する一般的な方法を探索し,これに基いて,最近脚光をあび つ、ある二三の電池活物質の,充放電機構を追跡した。

電池活物質の充放電反応は、本研究で行なわれた場合をも含めて、次の二つに大別される。

1) 固相反応のみで電極反応が行なわれる場合

2) 充放電反応の途中に,中間生成物の生成反応を伴なう場合

これらの反応を抵抗少なく行なわせるためには、電池活物質は充放電時において電子伝導 体であると同時に電解伝導体でなくてはならない。すなわち,充放電反応は固相中でのイ オンの伝導によつて進行していくわけで,普通の意味での固相反応とは著しく異なつてい る。この種固相反応は水溶液電解の場合と比べて,反応を行なう場所が固体中か水溶液中 かの違いはあるが,イオン反応であるという点において,何ら変るところはない。従つて, 水溶液の電解反応を研究する場合と同じ考え方,同じ手段を適用できるわけで,本章では さらに,このような観点に基いて,研究方法を考案し,その研究方法について概説した。 電池活物質の充放電機構を追跡するうえにさらに便利な点は,水溶液電解の場合とは異な り,反応する場所が固相内である点である。従つて,固相中での変化が,顕微鏡観察,電 子顕微鏡観察,X線回折,電子線回折および化学分析などの手段により,直接観察するこ とが可能である。しかし,これらの方法にも十分な忠実度と再現性を得るという点で実験 技術上多くの困難な点が存在する。本章では,種々の難点を指摘し,これに基いて,忠実 度再現性のよい砌定法を考案し,この方法についても述べた。これらの方法を適用して, 実際,各種の電池活物質の充放電反応を解析し,第2章以下において示されているように, 良好な結果を得ることができた。

- 1) 吉沢四郎,竹原善一郎,電気化学ゼミナー講演集,3,50(1958)
- 2) U.B.Thomas, Trans.Electrochem.Soc., <u>94</u>, 42 (1948)
- 3) T.P.Dirkse, J.Electrochem. Soc., <u>106</u>, 920 (1959)
- G.W.D.Briggs, E.Jones and W.F.K.Wynne-Jones, Trans.Farad.Soc., <u>51</u>, 1433 (1955)
 - E. Jones and W.F.K.Wynne-Jones, ibid., <u>52</u>, 1260 (1956)
 - G.W.D.Briggs and W.F.K. Wynne-Jones, ibid., <u>52</u>, 1272, (1956)

W. Feitknecht, Z. Anorg. Chem., 283, 88 (1956)

- 5) 吉沢四郎, W.C. Vosburgh, J. Electrochem. Soc., <u>104</u>, 399 (1957)
- 6) 吉沢四郎,竹原善一郎,昭和35年10月合同討論会一次電池分科会(東京)にて 発表,電化投稿中
- 7) 吉沢四郎,竹原善一郎,昭和36年4月CITCE(国際電気化学大会)12回大会
 (ベルギー・ブラツセル)にて発表, Electrochimica Acta,

5, 240 (1961)

- 8) 碇真一, 吉沢四郎, 電化, 28, 596 (1960)
- 9) 吉沢四郎,竹原善一郎,昭和35年10月 アメリカ合衆国電気化学会大会(テキサス州・ヒユーストン)にて発表,
 - Extended Abstracts of Battery Division of Electrochem. Soc. (Houston Meeting) 88 (1960年10月)
- 10) 細野富造,松井正好,電化投稿中
- 11) 吉沢四郎, 竹原善一郎, 松井正好, 電化, 28, 10 (1960)
- 12) 吉沢四郎,竹原善一郎,電化,28,53 (1960)
- 13) 岡田辰三,吉沢四郎,日根文男,竹原善一郎,電化,26,165,211(1958)
- 14) 三宅義造,大阪工業試験所季報,3,127(1952)
- 15) 岡田辰三, 鈎三郎, J. Electrochem. Soc., <u>102</u>, 580 (1955)
- 16) P. Hersch, Trans. Farad. Soc., 51, 1442 (1955)

第2章 カドミウム電極放電時の現象 ^{1),2),3),4)}

第1節緒 言¹⁾

アルカリ蓄電池には負極活物質として鉄を使用するニッケル・鉄式アルカリ蓄電池と負 極活物質としてカドミウムを使用するニツケル・カドミウム式アルカリ蓄電池が知られて いるが、いずれもその歴史は古く、前者は1900年Edisonにより、後者は1899 年Jungner によりそれぞれ発見されている。この電池は電解液がアルカリ性であるた め、容器に鋼あるいはニッケルメッキした鋼を用いることができ、また、電気化学的にも 粗い取り扱いに堪え、急放電、過充電、放電状態での放置による損傷が少ない長所をもつ ている。とくに、負極活物質としてカドミウムを用いたものでは鉄を用いたものに比べて 自己放電が少なく,また活物質自体が放電時に不働態化する現象も少ない。アルカリ蓄電 池はとのような長所をもつ反面,端子電圧が低く,活物質中でのオーム抵抗が高いため, 大電流での放電特性や低温 特性が 悪くなる欠点をもつている。そのため,活物質自体の 価格が高いととと相まつて、鉛蓄電池に比べてその用途はごく僅かの限られたものであつ た。ところが,第二次大戦後,この電池の欠点であるオーム抵抗の高い点を構造的に除去 する目的で、焼結式アルカリ蓄電池が研究され、活物質と電極基板との間の接触抵抗を著 しく低下させることが可能となつたため。ニッケル・カドミウム式アルカリ蓄電池はにわ かに脚光をあびることとなつた。すなわち、この発明によりアルカリ蓄電池の最大の欠点 とされていた大電流での放電特性,温度特性が著しく改善され,また,活物質の利用率も 増大するようになつた。さらに、数年前より、カドミウム電極が充電時に過酸化ニツケル 陽極で発生する酸素ガスを完全に吸収する現象を利用して、ニッケル・カドミウム式アル カリ蓄電池を完全密閉型蓄電池として使用しようとすることが試みられるようになつた。 近年,ニツケル・カドミウム式アルカリ蓄電池がとのように脚光をあびるにおよび,その 電池を更により優秀なものにしようとする要望が一段と高まつて来た。

この電池の性能は負極活物質であるカドミウムによつても非常に支配される。とくに, カドミウム電極は放電時不働態化し,また,充放電を繰り返すとその充放電生成物が凝集

-25-

する欠点をもつため、利用率の低下,充放電時の過電圧の上昇の原因となる。また,焼結 極板の利用で,活物質と電極基板との間の接触抵抗および活物質相互の間の接触抵抗が減 少しても,充放電時の化学分極および自己放電は減少しない。従つて,優秀な性能をもつ カドミウム活物質を作製するためには,カドミウム電極 の充放電機構を解明し,これに 基づいて上記欠点をなくするよう対策を立てねばならない。

上記のように、最近、重要な活物質として各方面より関心が寄せられるようになつた カドミウム活物質も、その電極 の 充放電機構を詳細に追求しようとする試みは数年前よ り,やつと内外の研究者により取りあげられるようになつたに過ぎない。従つて,カドミ ウム電極の 充放電機構に関しては、種々の意見が提出されているが、それも定性的な説 明に過ぎず、いまだ統一した見解はない状態である。例えば、その放電機構を例にとつて みても,次に示すように多くの見解が提出されている。P.E.Lake,E.I.Casey^{5),6)} およびK.Huber^{7),8)}は放電時の中間生成物としてCdOを考え、これの溶解、再析出 によつて最終的に結晶性のCd(OH)2が生成するという説を出している。また、細野、 松井^{9),10)} も同様な説を提出しているが、この場合は中間生成物として活性な $Cd(OH)_2$ の結晶構造をもつ半導体的なものを仮定している。一方,S.Uno-Falk¹¹⁾, R.W. Ohse¹²⁾ などはカドミウム電極の放電により、中間生成物の生成を経たいで直接Cd(OH)。 が生成するという説を出している。また、G.T.Croft¹³⁾も同様な説を出し、分極の 原因は放電により生成するCd(OH)。中でのイオンの拡散抵抗によるものであると述べ ている。さらに、S.Winkler¹⁴⁾ は放電による極板の重量変化より、放電生成物は Cd(OH)。でなくCdOであるという説を提出している。とのように種々の見解が提出 されているが、いずれも、定性的であるか、あるいは仮定が多く、説明に一貫性を欠き、 はたしていずれが正しいのか判断に困る状態である。そとで、著者はとのような複雑な反 応を詳細に認識する目的で、カドミウムの放電機構の追跡を行なった。

第2節 実 験 方 法²⁾

. í

カドミウム電極の放電機構の解析は,放電時における電極活物質の表面状態の変化を電 子顕微鏡観察,X線回折,電子線回折によつて調べ,それと同時に,放電時の電位変化, 過渡現象,放電後開路にした場合の電位変化,放電電流と過電圧の関係などを自記電位差

-26-

計およびプラウン管オツシロスコープで追跡し,それらの結果を考察することにより行な つた。

再現性のある結果を得るために、第1章、第3節(10頁)で述べたように、カドミウム電極はメッキ法によつて作製した。矩形白金板(2×1.5 m^2)の片面に図2.1に示した電解槽を使用し酸化カドミウム^{*1}(**3**1 g/ℓ)およびシアン化カリ(13**5** g/ℓ)を含む30°Cの溶液中で100mAの定電流で20minカドミウムメッキを行なつた。

それから、この電極を図2.1に示した電解槽を使用し,1規定カセイカリおよび1規定硝 酸カリを含む30 ℃の溶液中で50mAの定電流で90sec陽極的に酸化し,電極面に うすいCd(OH)2 の被膜を作製した。この電極をさらに図2.1に示した電解槽を使用 し、CdOで飽和した4.5規定カセイカリ溶液中で30 ℃,1mAの定電流で40min 陰極的に還元した。このようにして作製した電極を出発電極として使用し、各種の放電実 験を行なつた。この電極の再現性は極めて良好であつた。

図2-1のような電解槽を使用し、各種濃度のカセイカリ溶液中*2で、その中にCdO を飽和させた場合、CdOを含まない場合についてカドミウム電極の放電実験を行なつた。

アクリル酸樹脂で、図2・1のような角型電解槽を作製し、電解中、電極面 での電流分布およびルギン毛管と電極面との間隔(=2m)ができるだけ均一になるよう 留意した。また、檀内での温度分布、濃度分布をできるだけ均一にするために、角型電解 槽の側壁および底部に沢山の孔をあけ、角型電解槽自体は、ガラス槽中に固定した。さら にこのガラス槽は恒温槽(±0.5 °C以下の変動しか示さない)中に備えつけた。また、 外気と電解液とを遮断するために使用したゴム栓は、いずれも塩化ビニル樹脂およびアク リル酸樹脂で被覆し、電解液中にゴムが溶出しないように留意した。電極裏面も、同様 な被覆を行ない、十分に絶縁を施した。とくに、充放電を行なう場合には、電解中、絶え ず外部より400~450 °C の銅網上を通して酸素を除去した窒素を通気し、自己放電 の防止およびかくはんを行なつた。電位は図2・1に示したように、ルギン毛管を使用し、自 記電位差計あるいはブラウン管オッシロスコープにより測定した。照合電極は自記電位差

- *1 酸化カドミウムは99.9%カドミウム金属より作製した。カドミウム金属の純度は ボーラログラフで分析した結果,銅,鉛,錫およびヒ素は0.02%以下,鉄,ニッケル 亜鉛は0.01%以下であつた。また,メッキ液はシアンカリの分解をさけるため冷暗所 に密閉して保存した。
- *2 水酸化パリウムを加え、炭酸イオンを炭酸パリウムとして除去した後使用した。



a:試料電極

- b:相手極(白金電極)
- c:ルギン毛管
- d:焼結式アルカリ蓄電池カドミウム陰極またはHg/HgO/KOH照合電極
- e:角型電解槽
- A:電 流 計
- E:鉛蓄電池
- P:プラウン管オツシロスコープまたは自記電位差計
- R:抵 抗

図2.1 カドミウム電極の充放電試験に使用した電解槽の模型図*

* カドミウムメツキおよびカセイカリ。硝酸カリ溶液中で陽極酸化を行なう場合には窒 素かくはんは行なわず,またルギン毛管を取りはずした。
計での測定に対しては Hg/HgO/放電実験に使用したカセイカリ溶液と同濃度のカセ イカリ 溶 液 電 極を使用し、プラウン管オッシロスコープでの測定に対しては焼結式アル カリ蓄電池のカドミウム陰極を使用した。液間起電力およびルギン毛管と電極表面との間 のオーム抵抗による電位降下は計算によつて実測値の補正を行なつた。

放電時における,電極表面の変化を観察するための電子顕微鏡観察用のレプリカ膜,X線回折用の試料および電子線回折用の試料は第1章第3節(18頁)で述べた方法によつて 作製した。いずれの場合も粗地金属は白金板の代りにニッケル板を使用した。

電解液中に溶解するカドミウム錯イオンの濃度はポーラログラフ法によつて定量した。

第3節 各種放電条件による,カドミウム電極表面の 微細構造の変化

1. 定電流放電時のカドミウム電極の表面状態の変化¹⁾

酸化カトミウムで飽和した45規定カセイカリ溶液中でカトミウム電極^{*3}を定電紙で放電すると図2・ 2のような電位変化を示し、その表面は電子顕微鏡による観察の結果写真2・1のように変 化する。また、放電の各段階における電極表面をX線回折によつて観察した結果は後に示 す図2・3(35頁)のようにCdとCd(OH)2のみしか確認されず、他の生成物は確認され なかつた。また、図2・3(b)、(c)および (d)を比較してみると、放電の進行 につれて、Cdの回折線が弱くなり、それに代つてCd(OH)2の回折線が強く現われて くる結果を示している。とくに、細野、松井¹⁵⁾も指摘しているように、放電初期におい てはCd(OH)2 の(001)回折線は非常拡散したものであるが、放電が進行するに つれて、Cの線は段々と尖鋭になる結果を示すようになる。すなわち、X線回折の結果は

*3 この場合の実験においてのみ、電極の作製条件が第2章第2節で述べた条件と異な る。すなわち、電極面積は6m²、電極の作製は次のようにして行なつた。酸化カドミ ウム(328/ℓ)・シアンカリ(728/ℓ)を含む25°Cの溶液中で電流50 mAで20minカドミウムメツキを行ない、その後、硝酸カリ(2規定)、カセイカ リ(2規定)を含む35°Cの溶液中で電流300mAで30sec陽極酸化を行なう。 さらに、その後酸化カドミウムで飽和したカセイカリ(4.5規定)溶液中で25°C, 電流1mAで80min陰極還元を行なう。



図 2-2 カドミウム電極の定電流放電時の時間と電位の関係

Cd は放電によつて、最終的にCd(OH)2 に変化するという事実しか示さない。

写真 2.1を眺めてみると、(a)、(b)、(c) かよび(d) に示されているように、 放電の進行とともに、最初Cd面であつた電極表面に、六方晶系のCd(OH)2 粒子が析 出し、段々とその粒子の大きさ、数かよび結晶化の程度が増大していくことがわかる。こ のようにして、放電の進行につれて生成したCd(OH)2 の粒子は、放電末期には約2 μ の大きさの六方晶系の粒子にまで成長する。充放電を繰り返すことにより、放電によつ て生成するCd(OH)2 粒子の大きさは例えば写真 2.1(d)と(f)に示されている ように段々と大きくなつていく。これは、充放電の繰り返しにより、段々と結晶の発達が 容易になることを示している。この現象は、写真 2.1(e)に示されているように、 Cd(OH)2 は充電によつて微細に崩壊し、Cd に変化するが その反応は不均一反応で あり、充電終期にかいても未反応のCd(OH)2 を残し、これが放電により生成する Cd(OH)2 の核となるため、Cd(OH)2 の成長が容易になつたものと思われる。

写真 2.2 にカドミウム電極を放電した後,電極を長時間酸化カドミウムを添加したカセイカリ溶液中に放置した場合,その表面がどのように変化するかを示した。放電直後(写真 2.2

-30-



(b)

(c)



(d)

(a)

(e)

(f`

(a), (b), (c), (d), (e) および (f) は図 2·2 に示した各段階に対するカドミウム電極表面の中心部を示す。

写真2.1 定電流放電時のカドミウム電極表面の変化

(a))のものに比べて,電解液中に10hr 放置したものではCd(OH)2の六方晶 系の結晶が著しく成長していることを示している。放電終了後の電極は,黒色であるが, この種の熟成によつて,著しく結晶が成長し,だんだんと灰白色に変色する。すたわち, 電解液中に充ちしていることをふぎまた、錯イオンあるいは電極面に存在するCd(OH)2が,.

の写真を眺めると、充電終了後においても、未反応のCd(OH)2 が表面に残つており、 また、放電終了時においても、Cd(OH)2 の結晶が全然発達していない場所が存在する ことがわかる。この種の反応は、不均一反応であり、充放電反応は、ある特定の場所を中



- (a) カドミウム電極を設化カドミウムで飽和した30°C,4.5規定カセイカ リ溶液中で0.5mAで放電した場合の放電終了直後の電極表面
- (b) (a) 電極を放電に使用したと同じ電解液中に10hr 浸漬した後の電極表面
- 写真 2·2 カドミウム電極をカセイカリ電解液中に放置した場合の表面状態の 変化

心にして行なわれることを示す。すなわち,充放電によるCd(OH)2の崩壊および成長 は、その反応がもつとも容易に行なわれる場所で起り,電極表面は一様に反応に関与 しない。そのために,充放電反応の電位一時間線図の各段階では写真に示されたような状 態の部分が単に多いというに過ぎない。すなわち,充放電の初期の段階でも,充放電終了 時に示されているような状態の場所も,わずかではあるがすでに存在する。このように, 充放電反応を受けやすい場所と,受け難い場所の存在は,電極内に局部アノード,局部カ ソードをつくる原因となり,自己放電の原因となる。

これらの事実はカドミウム電極の放電反応においては、Cd は放電によつてCd とは別 の相にCd(OH)₂ を生成する。しかも、このCd(OH)₂ はカセイカリ溶液中での熟成 によつて成長し、また、ある特定の場所を中心として発達していくことがわかつた。すを わち、Cd(OH)₂ の結晶核を中心として、液相からのカドミウム錯イオンよりの析出反 応によつてCd(OH)₂ が発達していくことは、以上の事実より十分予想される。しかも 写真 2.1および 2.2に示された状態はカドミウム電極放電時の分極時の状態を忠実に示し ているものではなく、開路にし、表面が安定化した後の状態の表面構造の変化を示してい る。これらの事実を併せ考えると、カドミウム活物質は放電においては、不安定な何らか の中間生成物を生成し、さらに、この中間生成物が、溶解、析出または再配列することに より、Cdとは別の相に、安定なCd(OH)2結晶が生成していくものと思われる。この ようにして、生成した安定なCd(OH)2が電極全面を覆つてしまうと、放電反応の反応 抵抗が著しく増大し、そのために放電が終了するのではないかと思われる。また、写真2-1(a)~(e)をながめると、放電初期においては、電極表面に十分発達していない Cd(OH)2 または結晶粒中に割れ目が観察される。この割れ目の部分に、中間生成物が 蓄積し、さらに、この部分で蓄積した中間生成物の溶解が行なわれているのではないかと 思われる。また、この部分での電気伝導は、何らかの半導体的な機構によつて行なわれて いるものと予想できる。



2. 各種放電条件による,カドミウム電極の表面状態の変化2)



- (a) A電極(カドミウムメッキ により作製した電極を才2章オ3節 で示した条件で陽極酸化,陰極還元を繰り返して作製した電極) を0.5mAで定電流放電を行なう
- (b) A電極を 1.0 mA で定電流放電を行なう
- (c) A電極を10.0 mAで定電流放電を行なう
- (d) B電極(カドミウムメツキのみにより作製したカドミウム電極) を10.0mAで定電流放電を行なう
- 図 2·2 各種放電条件によるカドミウム電極放電時の容量と 電極電位との関係(30°C,4.5規定カセイカリ 溶液(CdOで飽和)を電解液として使用)



- (a) 図 2·2(A)電極表面のX線回折像
- (b) 図 2·2 (B)電極表面のX線回折像
- (c) 図 2·2 No. 5の状態における電極表面のX線回折像
- (d) 図 2.2 No. 1の状態における電極表面のX線回折像
- (e) 図22No.3の状態における電極表面のX線回折像
- (f) CdOを含まない30°C,4.5規定カセイカリ溶液中で0.5mAで
 40min放電後の電極表面のX線回折像
- (g) Hanawalt¹⁹⁾によつて示されたCdおよびCd(OH)2のX線回折像 (Cu-Ka線に対する2θおよびMo-Ka線に対する相対強度(I/I₁) を示す。

図 2.3 カドミウム電極の各種放電条件に対するX線回折像

/ 分散スリット:2∞,検出スリット:0.2∞,電圧:34.5 kV、 電流:15mA,対陰極:銅,フイルター:ニッケル, 時常数:2 sec,GM管走査速度:1度/mim

図 2·2 に各種放電条件による,定電流放電時のカドミウム電極の電位と時間の関係を示した。また,写真 2·3 および図 2·3 に図 2·2 の各放電条件に対する,放電時の電極面の表面状態の変化を電子顕微鏡およびX線回折によつて観察した結果を示した。

同一カドミウム電極(写真2·3(b))を使用して,放電反応を行なう場合,図2·2 (a),(b) および(c)曲線に示したように,放電電流が0.5mA,1mA,10 mAと大になると,その表面状態は写真2·3(c),(d),(e)のように変化する。 0.5mAのような低電流放電においては,1~2 μ 程度の比較的大きいCd(OH)2結晶 が電極表面に点在しているが,10mAと放電電流が大になると,0.2~0.5 μ 程度の比 較的小さい Cd(OH)2結晶が電極全面を覆い,しかもCd(OH)2の結晶粒の間で 電極面の溶解が認められるようになる。すなわち,これは第3節1で述べた中間生成物の 溶解,Cd(OH)2の再析出によつて放電が進行するという仮定が正しいとすれば,低電 流放電においては,単位放電時間当りの放電生成物の量が少ないため,特定の結晶核を中 心としてCd(OH)2結晶が成長し,大きな結晶へと三次元的に成長していく。そのため, 長時間の放電によつても有効なCd面が常に表面に存在し,この面を通して反応が進行す る。そのために,活物質の利用率が著しく向上する。一方,高電流放電においては,単位



- (a) カドミウムメツキ面(図2.2(A)電極)
- (b) 陽極酸化,陰極還元を繰り返した後のカドミウム電極面 (図 2.2 (B)電極)
- (c) 図 2·2 No.1の段階における電極面
- (d) 図2·2 No. 2の段階における電極面
- (e) 図2·2 No. 3の段階における電極面
- (f) 図 2.2 No.4の段階における電極面
- 写真 2·3 図 2·2 に示した各種放電段階に対する,カドミウム電極 表面の変化

放電時間当りの放電生成物の量が著しく多くなるため,特定の核を中心とする結晶の成長 が妨げられ,電極面全面に一度にCd(OH)2 結晶が生成する結果となる。そのため,高 電流放電の場合は,絶縁体である安定なCd(OH)2 結晶で,短時間の放電により電極面 全体が覆われ,容量が著しく減少する。X線回折の結果は図2.3(d),(e)に示され ているように,いずれもCdとCd(OH)2 の混合X線図のみを示し,中間生成物は確認 されなかつた。

見かけの放電電流密度が同一である場合でも,図2.2(c)および(d)に示されてい るように、放電反応に使用するカドミウム電極の表面状態が異なれば、それに応じて電池 の容量は著しく変化する。カドミウムメッキ面では容量は著しく小さいけれども、このメ ッキ面をカセイカリと硝酸カリの混合溶液中で陽極的に酸化してやると、その程度によつ て容量が変化し、その操作条件が苛酷である程容量は増大する。図2.3(b)に示すよう に,陽極酸化の過程を経ると、Cdの回折線は弱く,拡散した状態になつており、これは Cd の結晶が微細化したためではないかと思われる。すなわち、陽極酸化の過程により電 極表面のCd が微細化し、放電反応を受け易くなると同時に、表面積の増大によつて真の 電流密度が低下するため,容量が増大するものと考えられる。また,写真2-3(e)およ び(f)を比べると、放電によつて生成するCd(OH)2は素地Cd面と何らかの関係が あることがわかる。写真2.3(f)では、電極表面が0.2~0.5µ程度の微細なよく発達 したCd(OH)2結晶で覆われ、表面が著しく絶縁化しているものと思われる。一方、写 真2.3(e)は,生成しているCd(OH)2の結晶の大きさは,写真2.3(f)の場合と ほぼ同一の大きさではあるが、結晶の粒界において若しい溶解現象の跡がみられ、結晶粒 界で三次元的に反応が進行していることがわかる。写真 2·3(f)の場合では,固相的な 中間生成物生成反応が電極内部で行なわれ難いため、放電によつて電極面全体が速く覆わ れる。しかし,写真2.3(e)の場合では,表面のCd 結晶が微細化しているために, Cd 結晶の内部まで放電反応が起り易い。これらの事実は,電極の表面状態の変化による 容量変化の原因は,表面積の差異による真の電流密度の変化によると考えるよりも,むし ろ陽極酸化により、Cd 面が微細化し、電極内面迄放電反応が可能となる結果、中間生成 物の生成が容易になり、そのために、Cd の利用率がよくなつたと考えた方がより妥当で あるように思われる。

-37-

3. カドミウム電極放電時の中間生成物 3),4)

P.E.Lake.E.J.Casey⁵⁾はカドミウム電極の放電時における中間生成物として CdO を 仮定している。この仮定の根拠として,カセイカリ溶液中へのCdO の 溶解度が カセイカリ溶液の濃度により変化し.CdO の 溶解度の大きい溶液程,その電極でのCd の利用率が大となる事実をあげている。そこで,まず最初に,この点を確認する目的で, カセイカリ溶液中へのCd(OH)₂ およびCdO の 溶解度をポーラログラフを使用して調 べた。

1規定カセイカリ溶液に1規定硝酸カドミウム溶液を加えることにより作製した Cd(OH)2 はカセイカリ溶液中に,使用したボーラログラフの感度(10⁻⁶mol/ℓ) 以下しか溶解しない。すなわち,ボーラログラフによつてはCd(OH)2 の溶解は確認さ れなかつた。しかし.Cd(OH)2 を約400 ℃ で焼成して作製したCdO は 図2.4に 示しているように,カセイカリ溶液にかなり溶解する。CdO の カセイカリ溶液への溶解 度は図2.5に示しているように,P.E.Lake,E.J.Casey⁵⁾が示した結果と同様に, カドミウム電極の放電容量と密接な関係がある。すなわち,カセイカリ溶液中にCdO を



図2.4 カセイカリ電解液に対するCdOの溶解度



	電解液		放電電流 (mA)	液
	кон	CdO	(
а	4.5 N	含まず	0.5	30
b	4.5 N	飽 和	0.5	30
c , h	4.5 N	"	1.0	30
à	0.97N	,	1. 0	30
e	0.45N	•	1.0	30
f	4.5 N	,	1.0	15
g	4.5 N	,	1 0.0	3 0

a~g:十分に充電した後放電

÷

h :gの条件で放電終了後に放電

図 2·5 各種放電条件によるカドミウム電極放電時の容量と 電極電位との関係



- (a) 図 2.5 No. 1の段階における電極面
- (b) 図 2.5 No. 2の段階における電極面
- (c) 30 ℃,4.5規定カセイカリ溶液(CdOで飽和)中で酸素でかくはんすることによつて自己放電させた電極面
- (d) 図 2.5 No.3の段階における電極面
- (e) 30°C,0.45規定カセイカリ溶液(CdOで飽和)中
 で20mAで放電終了後の電極面
- (f) 0°C,0.45規定カセイカリ溶液(CdOで飽和)中で1
 mAで放電終了後の電極面
- (g) 写真 2.4(f)に示された電極の表面生成物の電子線回折像
- (h) Cd(OH)₂ を350 °C で4hr 焼成後に生成したCdO の電子線回折像
- 写真2·4 各種放電条件によるカドミウム電極放電時の電極表面の 変化とその電子線回折像

含まない場合は,溶液中にCdOを飽和した場合と比べて,図2.5(a) かよび(b) に 示したように容量が大となる。また,溶液中へCdOを飽和させた場合でも,CdOの溶 解度の小さい低濃度カセイカリ溶液の場合(図2.5(C),(d) かよび(e) 参照) や 低温度カセイカリ溶液の場合(図2.5(c) かよび(f) 参照)では容量は著しく滅退す る。また、第3節2(35頁)でも述べたように,放電電流密度を上昇させるとカド ミウム電極の容量が減少する。しかし,この減少した容量は図2.5(h) に示したように, 完全には回復されないが、その一部は,高電流放電によつて放電電位が十分正の方向に偏 倚してしまつたものを開路にし、その後低電流放電を行なうことにより回復される。

そこで,さらに,これらの事実を調べる目的で,図2.5の各段階に対する電極表面を電子顕微鏡により観察した。その結果を写真2.4に示す。

写真2.4(a)は、CdOを含まない電解液中で放電を行なった場合の表面状態を示す。 この写真は、カドミウム電極表面が著しく侵食され、溶解が起つていることを示している。 CdOを飽和した溶液中で放電した場合の表面状態を示す写真2.4(b)と比べてみると、 電極表面の溶解の過程がはつきりとわかる。

図 2.3 (f) に示したように、CdO を含まない溶液中での放電においても、X線回折の結果はCdとCd(OH)2 のみしか確認されなかつた。これらの結果より、Cd は放電

によつて電解液中に溶解し、その後Cd(OH)2が電極面に析出していくことを示し、溶 解前に何らかの中間生成物が生成することを示すことが想像される。

中間生成物はカセイカリ溶液中へのCdOの溶解度と放電容量の関係より、CdOであると想像されるが、以上のX線回折の結果よりは、カドミウム電極の放電時において、 CdOは電極表面には観察されない。

そこで、さらに中間生成物としてのCdO を確認する目的で、カセイカリ溶液中への CdOの溶解度の悪い 0.4 5規定のカセイカリ溶液中で放電した場合の電極の表面状態を 観察した。この場合は写真 2.4 (d), (e) および (f) に示したように $Cd(OH)_2$ の結晶は十分に発達せず、その表面は中間生成物層で覆われたような状態を示す。同様な 状態が電解液中に酸素を通気するととにより、自己放電させた電極においても写真2.4 (c)のように観察される。これの場合もまた図2.6に示されたようにX線回折**の結 果はCdとCd(OH)2 のみしか確認されなかつた。Cd(OH)2 の(001)回折像は非 常に拡散した状態のものであつたが、Cd(OH)2のそれぞれの回折像のあらわれる角度 は、4.5規定カセイカリ溶液中での放電時の場合と同一であり、Cd(OH)2のそれぞれ の回折像に対する面間隔は電解液として使用するカセイカリ溶液の濃度の変化によつては 影響を受けないことを示した。これらの場合は、中間生成物としてのCdO が電極表面に 存在しているかもわからないが、CdOが放電によつて中間的に生成するが、これは速か に崩壊するため、電極面上に存在するCdG の量は微量であり、従つてX線回折によつて はCdO が確認されなかつたのかもわからない。そこで、次に、カドミウム電極を放電さ せ、その電極の表面に存在する活物質を電子線回折によって調べた。CdO を飽和した 4.5規定カセイカリ溶液中での放電においては、どうしても電極面上にCdOを確認する ことができなかつた。ところが、CdOのカセイカリ溶液中への溶解度の悪い□℃, 0.45規定カセイカリ溶液中での放電においては、写真2.4(g)に示されているように、 電子線回折の結果非常に拡散した状態ではあるが明らかにCdO によると思われる回折像*5

^{* 4} 素地の未変化のCd による強い回折像を消す目的で,カドミウムメツキ層の厚さを うすくした。(第2節で示したメツキ浴で100mAで10min カドミウムメツキを行 なつた)

^{*5} Cd およびCd(OH)2粒子は、その大きさが大きいため電子線が通過せず(使用した電子顕微鏡の加速電圧は50kV)、電子線回折像を与えなかつた。また、予備実験の結果、Cd(OH)2は使用した電子顕微鏡での電子線照射によつてはCdOに変化しなかつた。



図2.6 カドミウム電極放電時の電極表面のX線回折像

(X線回折を行なつた条件は図2.3の場合と同一である)

を電極表面活物質より確認することができた。すなわち,この事実は,放電時においては 中間生成物としてCdOが生成されるが,このものは大変不安定で(とくにCdOのカモ イカリ溶液への溶解度が大なる高濃度カセイカリ溶液使用の場合は不安定),生成すると 速かに分解して,カセイカリ溶液中に溶解していくことを示すものである。

S. Uno Falk¹¹⁾ は化学的に作製したCdOはカセイカリ溶液に浸漬す ることに よりCd(OH)₂ に変化すると述べている。そこで,これを確める目的で,1規定カセイ カリ溶液に1規定硝酸カドミウム溶液を加えることにより,化学的に作製したCd(OH)₂ を350°Cで焼成し、CdOを作製し,このCdO39を4.5 規定カセイカリ溶液 500 cc 中に溶解し,その後,未溶解の結晶をX線回折によつて調べた。図2.7に示さ れているように完全にCdOであつた結晶はカセイカリ溶液中に浸漬することにより,完全に Cd(OH)₂ に変化する結果を得,S. Uno Falk¹¹⁾ と同様な結果を示した。また, 同様な結果が,本研究で使用したカドミウム電極の場合においても図2.8に示したように



15

(a) 1規定カセイカリ溶液に1規定硝酸カドミウム溶液を加えること
 により作製したCd(OH)2のX線回折像

(b) (a)を350 °C で焼成して作製したCdOのX線回折像

(c) (b)を 4.5 規定カセイカリ溶液に溶解して作製したCd(OH)2のX線回折像

図2·7 CdO およびCd(OH)2 のX線回折像

(X線回折を行なつた条件は図2·3の場合と同一である)



図2·8 カセイカリ溶液中にカドミウム・酸化カドミウム電極を浸漬 した後の電極表面のX線の新展

(X線回折を行なつた条件は図2·3の場合と同一である)

得られた。1mAで放電を行ない,図2.8(a)に示されるようなX線回折像を示すカドミウ ム電極を窒素雰囲気のもとで300°Cで焼成した。との電極は図2.8(b)に示されている ようにCdとCdOのみのX線回折像を示す。CdとCdOよりなるとの電極をカセイカ リ溶液に浸漬し、X線回折の手段により、カセイカリ溶液中でのCdOのCd(OH)2へ の変化速度がカセイカリ溶液の濃度によつていかに変わるかを調べた。これらの結果を図 2.8(c)~(f)に示す。4.5規定カセイカリ溶液へのカドミウム。酸化カドミウム系 電極の浸漬においてはCdOのCd(OH)2への変化速度は非常に速い結果を示す。すなわ ち、CdOのCd(OH)2への変化は2min以内に完全に起る。ところが、0.45規定 カセイカリ溶液へのカドミウム・酸化カドミウム系電極の浸漬においてはCdOは2min では完全にCd(OH)2へ変化せず、完全にCd(OH)2に変化するにはさらに長時間カ セイカリ溶液やに電極を浸漬しなければならない。カドミウム・酸化カドミウム系電極の カセイカリ溶液への浸漬において生成するCd(OH)2の(001)回折線はカドミウム 電極放電時に生成するCd(OH)2と同様、生成初期は大変拡散した状態にあるが、浸漬 時間の経過とともに段々と尖鋭な状態に変化し、CdOのCd(OH)2への変化の様子と 放電により生成するCd(OH)2の発達の様子とは同じ傾向を示す。

これらの結果より,次の事柄が結論される。Cd は放電反応によつて,まず最初に中間 生成物が生成し,これが最終的にCd(OH)2 に変化する。この中間生成物はカセイカリ 溶液中で非常に不安定なCdOであり、そのために放電によつて生成したCdOは速かに電 解液であるカセイカリ溶液に溶解し,Cd(OH)2に変化する。

第4節 放電時におけるカドミウム電極の平衡電位 4)

カセイカリ溶液中でのカドミウム電極の平衡電位は,カセイカリ溶液の濃度(溶液中の OH⁻の活量),カセイカリ溶液中でのCdOの溶解量,酸素の溶解量によつて著しく変 化する。

図2.9にCdO で飽和した4.5規定カセイカリ溶液中で十分に充電したカドミウム電極 を,4.5規定カセイカリ溶液(CdOを飽和した場合およびCdOを含まない場合)中で 1mAで5min 間放電し,その後開路にした場合の電位の回復の様子を示した。CdO



時間(開路後)

а	:窒	素でかく	はん後	b:電極を振動
с	:振	動を中止		d :酸素およびCdO を含まない溶液中へ
1	, 2	:CdO	を含まず	,窒素で飽和された電解液中にて放電後
	3	: Cd O	で飽和し	,窒素で飽和された電解液中にて放電後
	4	:CdO	を含まず	・酸素で飽和された電解液中にて放電後

図 2·9 20 °C,4.5 規定カセイカリ溶液中でカドミウム電極を 1mAで5min放電後開路にした場合の電位変化

を飽和した電極では,開路後1min以内に平衡電位に到達し, との電位は精製した窒素 ガスによる電解液のかくはん,電極の振動によつても数mV以上変化することはない。し かし,カセイカリ溶液中にCdOを含まない場合は,開路後の電位の回復は5min以 上の時間を要し,しかもその回復速度は精製した窒素ガスによる電解液のかくはんによつ て著しい影響を受ける。また,平衡電位は酸素ガスによる電解液のかくはんによつて正の 方向に変化し,平衡電位が電解液中の酸素の分圧によつて変化することを示す。

CdOを飽和し、しかも精製した窒素ガスを通気することにより溶存酸素を除去したカ セイカリ溶液中でのカドミウム電極の平衡電位は、僅かに放電した後は、放電末期を除い て放電量には関係なく殆んど一定の電位を示す。すなわち、僅かに放電(約1mA・min の放電)した後のカドミウム電極の平衡電位は30°C,4.5規定カセイカリ溶液での放 電の場合には放電末期の平衡電位に比べて約2mV負の値を示すに過ぎず,また,30°C, 0.45規定カセイカリ溶液での放電の場合は放電末期の平衡電位に比べて約5mV負の値 を示すに過ぎない。十分に充電したカドミウム電極の平衡電位は,一部放電した電極の平 衡電位よりも負の方向に偏倚する。この現象は,CdHの生成によつて起るものと思われ る。

これらの現象は, E. Jones, W.F.K.Wynne-Jones¹⁶⁾ が過酸化ニッケル電極 放電時の平衡電位は放電量が大となるにつれて, 段々と負の方向に変化することを報告し ているが, この過酸化ニッケル電極放電時に示される平衡電位とは著しい差異を示すもの である。すなわち, これらの現象は, 過酸化ニッケル電極の場合は平衡時においても電極 表面の組成が放電量によつて変化することを示すが, カドミウム電極の場合は, 放電最終 生成物がCd(OH)₂ としてCd とは別の相に存在するため, 平衡時においては電極表面 の電極反応を行なう部分でのCdとCdO との組成が放電量にかかわらず常に殆ど一定に なつていることを示す。

第5節 カドミウム電極放電時の過電圧 4)

第2章,第3節3の図2.5で示したように,カドミウム電極の定電流放電時の放電曲線は1段の変化を示し、その放電容量は電解液であるカセイカリ溶液中のOH⁻の活量によ つて影響をうけ,しかも僅かではあるが,電解液中に溶存するカドミウム錯イオンの活量 によつても影響をうける。

また,放電時の過電圧は電解液中でのOH の活量によつて著しく影響をうけ,CdO の溶解度の大なる高濃度カセイカリ溶液中でのカドミウム電極放電時の過電圧は非常に小 さい値を示した。

そこで,これらの現象をさらに詳細に調べる目的で,定電流放電を行なつた場合の開路 時の電位の回復,閉路時の電位の成長および一定量の放電を行なつた後の放電電流と放電 過電圧との関係を測定した。これらの結果を図2.10,2.11および2.12に示す。

カドミウム電極をCdOを含まない溶液中で放電した場合は次のような結果を示した。 図2・10に示されているように,定電流放電時の電位の成長は僅かの速い電位の変化とそ れに続く遅い大きい電位の変化よりなる。また,開路時の電位の回復も同様に,速い電位 の変化とないに続く非常に遅い電位の変化よりなることを示す。閉路時に現われる電位の遠 い変化に続く遅い変化の過程において,回路を開いた場合の電位変化を図2・13(1)に 示す。また,同様に問路時に現われる電位の遅い変化の過程において,回路を閉じた場合 の電位変化を図2・13(1)に示す。定電流放電を行なう場合,電極が平衡状態に達する 前に回路を開くと,開路時に現われる遅い電位の変化を示す部分の電位変化は小さくなる。 また,放電後開路にし,平衡状態に達する前に回路を閉じた場合も同様の結果を示した。



a:閉路にする

- b:開路にする
- 1:十分充電した後の電極を使用
- 2:10min放電した後の電極を使用
- 3:20min 放電した後の電極を使用
- 図2.10 CdO を溶解していない20°C,4.5規定カセイカリ溶液 中で2mAでカドミウム電極を放電した場合の閉路時および 開路時の電位変化



-50-

5



- (j) 30 ℃,0.45規定カセイカリ溶液中で1mAで放電した場合
- (ii) オツシロスコープを使用して測定した(j),(j)中の(a),(b),(c)および(d)
 に対する電位の変化
- 図 2.11 CdO を飽和させたカセイカリ溶液中でカドミウム電極を 放電した場合の閉路時および開路時の電位変化





図 2·1 3 カドミウム電極が開路および閉路平衡状態に達する前に 閉路および開路にした場合の電位変化

> (20 ℃,4.5規定カセイカリ溶液(CdOを含まず) を電解液として使用し、1mAで放電

これらの結果より、電位の遅い成長および回復を示す部分は放電時電極表面あるいは電解 液中に生成する生成物の濃度の遅い変化によつて現われることが想像される。

開路時に現われる電位の遅い変化の大きさは,放電電流が0.1mAより大きい場合には 放電電流によつて殆ど影響を受けない。また,この変化は放電量によつても殆ど影響を 受けない。しかし,第2章第4節の図2.9に示されているように,この変化は電解液のか くはんによつては著しく影響を受ける。閉路時に現われる電位の遅い変化は,放電電流の 増大によつて速くなり,かくはんを激しくする程遅くなる。これらの結果より,開路時お よび閉路時に現われる電位の遅い変化は電解液中におけるカドミウム錯イオンの濃度変化 によつて現われ,電位の速い変化は中間生成物層の蓄積によつて現われるものと想像され る。 CdOを飽和した電解液中での放電においては開路時の電位の回復,閉路時の電位の成 長はともに図2.11に示してあるように1/10secより速い大きな変化とそれに続く 100sec以内に平衡状態に到達する遅い小さい変化よりなる。しかし,この変化より はもつと遅い変化は観察されなかつた。また,放電時においては図2.11に示されている ように電位の極大現象が観察された。この電位の極大は,十分に充電された電極において は放電後10secと30secの間において観察され,これはCd(OH)2の析出速度の 遅れによるカドミウム錯イオンの電極面での過飽和現象によつて生じたものと思われる。 一方,一部放電した電極においてはこの電位の極大は放電後1sec以内に観察され,こ れは電極表面がCd(OH)2あるいは中間生成物層により放電前の平衡時において覆われ ているため,それら化合物の高い電子およびイオンの拡散抵抗によつて生じたものと思われる。

放電電流と,開路後1sec以内に回復する過電圧との関係を図3.12に示した。この 速い回復過程を示す過電圧は電解液中へのCdOの溶解量によつて著しく影響を受ける。 すなわち,この過電圧は電解液中にCdOを含まない場合には著しく小さい値を示したが, 電解液中にCdOを飽和させることにより,著しく増大した。また,この過電圧は電解液 中のOH⁻の活量によつて著しく影響を受ける。CdOの溶解度の大きい高濃度カセイカ り溶液中では過電圧は小さいが,CdOの溶解度の小さい例えば0.45規定のカセイカリ 溶液中では過電圧は著しく大きい値を示した。放電電流の対数とこの速い回復過程を示す 過電圧との関係は種々の放電条件に対して同じような傾向を示したが,しかし,図2.12 のように直線関係は示さなかつた。

これらの結果より,速い成長および回復過程を示す過電圧は放電時に電極表面に生成す る中間生成物であるCdOによつて生ずるものと思われる。すなわち,CdO層中での Cd²⁺ あるいはO²⁻ の高い拡散抵抗によつてこの過電圧が生ずるものと想像できる。 従つて,CdO層が薄くなると考えられるCdOを含まない電解液中あるいはOH⁻の活 量の大きい高濃度カセイカリ溶液中ではこの速い変化を示す過電圧は小さくなるわけであ る。カドミウム電極を負極に使用する電池では電解液はCdOで飽和していると考えられ る。従つて,過電圧の大部分は,中間生成物であるCdOが電極面に蓄積するために生ず るものと思われる。開路時.1sec以後ゆつくりと回復する過電圧は電解液中にCdO を含まない場合は大きい値を示したが,CdOを飽和することにより若しく小さくなつた。 しかし,いずれも放電電流によって殆ど影響を受けなかつた。すなわち.この過電圧 は電解液中でのCdOの溶解によつて生じたカドミウム錯イオンの濃度と何らかの関係が

-53-

あることを示すことがわかつた。

1. 放電時におけるカドミウム電極の平衡電位

第5節までに示した結果より,放電によつてCd は中間生成物であるCdO を 通 して $Cd(OH)_2$ に変化していくことが予想された。中間生成物であるCdO は $[HCdO_2]^-$ として電解液に溶解し、それから(2.1)式の反応により $Cd(OH)_2$ を電極面に析出す ると仮定できる。

 $(HCdO_2)^- + H^+ \rightleftharpoons Cd(OH)_2 \cdots (2.1)$

もし、このような仮定が正しいならば、カドミウム電極の放電反応は次のようになる。

 $Cd \stackrel{\longrightarrow}{\longleftrightarrow} Cd^{2+} + 2e^{-(1-2)} (2.2)$

$$\operatorname{Cd}^{-} + \operatorname{3OH}^{-} \rightleftharpoons (\operatorname{HCdO}_2)^{-} + \operatorname{H}_2\operatorname{O}^{-} (2.3)$$

 $[HCdO_2]^- + H^+ \longrightarrow Cd(OH)_2$ (2.4)

(2.2) 式および(2.3) 式より放電反応は(2.5) 式で示される。

 $Cd + 3OH^- \implies (HCdO_2)^- + H_2O + 2e^{-------} (2.5)$

(2.5)式より、カドミウム電極放電時の平衡電位は(2.6)式のように表わされる。

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{0}^{(1)} + \frac{\mathbf{RT}}{2\mathbf{F}} \ell_{n} \frac{\mathcal{A}[\mathbf{HCdO}_{2}] - \mathcal{A}_{H_{2}O}}{(\mathcal{A}CH^{-})^{3}} \quad \dots \dots \quad (2.6)$$

電解液が $[HCdO_2]$ で飽和されていない場合は、(2.6)式の $(HCdO_2)$ は非常に小さい値であり、平衡電位はより負の方向に偏倚する。また、この場合は、平衡電位は電解液のかくはんによつても著しい影響をうけ、未かくはんの場合よりも、かくはんした場合の方がより負の値を示した。この現象は、電極面上に蓄積している $[HCdO_2]$ が、電解液本体では $[HCdO_2]$ が未飽和であるため、かくはんによつて電解液中に逸散し易くなつたことによつて現われたものと思われる。図2.14に

$$\log_{10} \frac{(HCdO_2) - (UH_2O)}{(UOH^{-})^3}$$
 と[HCdO_2] で飽和した電解液中でのカド
-54-

ミウム電極の平衡電位との関係を示した。 Ω [HCdO₂] - は第2章第3節3の図24 より採用し、 Ω H₂O および Ω OH - は白石¹⁷⁾の報告中に示された値を採用した。僅 かに放電した後のカドミウム電極の平衡電位の実測値は(2.7)式の線上にのる。

$$E = 0.647 + 0.030 \log_{10} \frac{\mathcal{A}(HCdO_2) \cdot \mathcal{A}H_2O}{(\mathcal{A}_{OH} \cdot)^3} \quad (V, 30 \circ C)$$
.....(2.7)

すなわち,(2.6)式の理論勾配0.030(V,30°C)をよく満足する。しかし,



−○-- 僅かに放電したカドミウム電極での平衡電位
 -● -- 放電終了時におけるカドミウム電極での平衡電位

図 2·1 4 $\log_{10} \frac{Q_{[HCdO_2]} - Q_{H_2O}}{(Q_{OH}^-)^3}$ と カドミウム電極の平衡電位との関係 放電の終期になつて、電極面がCd(OH)2 で覆われてしまつたと考えられる状態でのカ ドミウム電極の平衡電位の実測値は図 2.4 に示されているように、 Q_{OH} - の小さい部分 において(2.6)式の理論曲線より僅かに偏倚する。これらの結果は、カセイカリ溶液中 に電解時に溶解するカドミウム錯イオンは [HCdO₂] - であることを示す。P.E. Lake、E.J.Casey⁵⁾がカセイカリ溶液に溶解するカドミウム錯イオンとして、 Cd(OH)²⁻ を提案しているが、本研究における実験結果は、このCd(OH)²⁻ を採 用した場合平 衡 電 位 は Nernst の理論式よりは著しく偏倚した結果を示した。

電解液が〔HCdO2〕 で飽和し,電極面全体がCdO層で覆われた後の放電反応は次 式に従つて進行するものと思われる。

 $OH^{-} \rightleftharpoons H^{+} O^{2-}$ (2.8)

(2.2)式および(2.8)式より,

(2.2)式,(2.8)式および(2.9)式より,放電反応は(2.10)式で示される。

 $Cd + OH \longrightarrow CdO + H^+ + 2e$ (2.10)

(2.10)式より,カドミウム電極放電時の平衡電位はまた(2.11)式のように表わされる。

僅かに放電した後の平衡電位の実測値は,電解液が〔HCdO2〕⁻で飽和されている場合 には,また,(2.11)式を満足し,実測値は(2.12)式の線上にのる。

$$E = 0.806 + 0.031 \log_{10} \frac{\beta_{H_2O}}{(\beta_{OH}^{-})^2} \quad (V, 30 \ ^{\circ}C) \dots (2.12)$$

放電末期においては、 \mathcal{A}_{OH}^{-} が小さい部分において(2.12)式より幾分偏倚する結果を示した。

これらの結果は、電極界面が $[HCdO_2]^-$ で飽和されない前は平衡電位は(2.6)式 を満足し、飽和後は(2.11)式を満足することを示す。すなわち、電極界面が $[HCdO_2]^-$ で飽和されない前はCd は放電により $[HCdO_2]^-$ として電解液中に溶 解していくが、飽和後は電極表面は中間生成物であるCdO で覆われるようになり、平衡 電位は放電量にかかわらず一定値を示すようになる。

2. 電解液を[HCdO2] で飽和した場合の,カドミウム電極放電時の過電圧

カドミウムは放電によって,まず,CdO を電極面上に生成し、さらにとのCdO はカモ イカリ溶液中に [HCdO₂] の形で溶解していく。また,電極面に生成するCdO は次 の過程によって生成していくと考えられる。Cd とCdO の界面がCd²⁺としてイオン化 し、このCd²⁺がCdO層を通って拡散し、CdO と電解液の界面に存在するO²⁻ と反 応し、CdO 層の上に、さらにCdO を蓄積していく。電極面上に生成したこのCdO は 電気化学的でなく、単に化学的に電解液中に溶解する。この場合、もし電極面上 へのCdO の生成速度がCdO の電解液中への溶解速度より大であるならば、CdO は電 極面上に蓄積していくこととなる。

このような現象をわかりやすく模型的に図2.15に示してみた。そとで、カドミウム電



図2.15 カドミウム電極表面の模型図



極の放電反応の律速段階を確認する目的で,図2.15に示した仮定に基づいて過電圧を理 論的に解析した。

Cd²⁺の生成と拡散は連続的に同じ速度で起るべきである。そこで,Cd²⁺の 生成と 拡散に対する物質収支をとると(2.13)式および(2.14)式を得ることができる。

$$\frac{1}{2F} = k_{Cd}^{2+} \left((a_{Cd}^{2+})i - (a_{Cd}^{2+})o \right)$$
(拡散過程)......(2.13)

(2.13)式および(2.14)式より、 $(Q_{Cd}^{2+})i \epsilon$ 消去すると、

$$\frac{\mathbf{I}}{2\mathbf{F}} = \frac{\exp\left(\frac{2\alpha F\pi_{a}}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{2\alpha' F\pi_{a}}{RT}\right)}{\frac{1}{(\partial_{cd}) \cdot \mathbf{k}_{a}} + \frac{1}{(\partial_{cd}^{2+})_{o}} \cdot \frac{\exp\left(-\frac{2\alpha' F\pi_{a}}{RT}\right)}{\mathbf{k}_{cd}^{2+}} \cdots \cdots (2.15)$$

もし、CdO 層中での拡散過程が律速段階であるとすると、

$$\frac{1}{(0.\mathrm{Cd})\cdot k_{a}} \ll \frac{1}{(0.\mathrm{Cd}^{2+})_{0}} \cdot \frac{\exp\left(-\frac{2\alpha'\mathrm{F}\pi_{a}}{\mathrm{RT}}\right)}{k_{\mathrm{Cd}}^{2+}} \cdots (2.16)$$

それ故,(2.15)式は次のように簡単化される。

I = 2
$$(\mathcal{A}_{Cd}^{2+})_0 \cdot k_{Cd}^{2+} \cdot F\left(exp\left(\frac{2F\cdot\pi a}{RT}\right) - 1\right)$$

... (2.17)

開路時の電位の回復は次のように示される。もし、電位の回復がCd と CdO 界面 での過剰のCd²⁺の拡散によるものと仮定すると(2.18)式を得ることができる。

$$\frac{d (\mathcal{A}_{Cd^{2+}})i}{dt} = -k Cd^{2+} ((\mathcal{A}_{Cd^{2+}})i - (\mathcal{A}_{Cd^{2+}})i) - (\mathcal{A}_{Cd^{2+}})i - (\mathcal$$

(2,18)式を積分すると(2,19)式を得る。

$$\ell_{n} \left((\mathcal{Q} \operatorname{Cd}^{2+})_{i} - (\mathcal{Q} \operatorname{Cd}^{2+})_{o} \right) = -k \operatorname{Cd}^{2+} \cdot t + C_{1}$$
.....(2.19)

(2.19)式を(2.13)式および(2.17)式で置換し,t = 0 においてπ a = π o であると仮定すると,(2.20)式を得ることができる。

$$t = \frac{1}{k_{Cd}^{2}} \left\{ \ell_n \left(exp(\frac{2F\pi_0}{RT}) - 1 \right) - \ell_n \left(exp(\frac{2F\pi_a}{RT}) - 1 \right) \right\}$$

閉路時の電位の成長は次のように示される。単位電流によつて単位時間に生成する Cd^{2+} のモル数はI/2Fで示されるから、 Cd^{2+} の $Cd \geq CdO$ 界面への蓄積速度は (2.21)式で示される。

$$\frac{d(\Omega cd^{2+})i}{dt} = \frac{I}{2F} - kcd^{2+} \left((\Omega cd^{2+})i - (\Omega cd^{2+})_{0} \right)$$
.....(2.21)

もし,放電の平衡状態において,($\Omega \operatorname{Cd}^{2+}$)iが〔($\Omega \operatorname{Cd}^{2+}$)i〕pで示されるとすれば,(2.21)式を積分することにより(2.22)式を得る。

)

(2.22)式を(2.13)式および(2.17)式で置換し,放電の平衡状態において $\pi = \pi p$ であるとすれば,(2.23)式を得ることができる。

$$t = -\frac{1}{k_{Cd^{2+}}} \left\{ \ell_n \left(\exp\left(\frac{2F\pi_p}{RT}\right) - \exp\left(\frac{2F\pi_a}{RT}\right) \right) - C_3 \right\}$$
.....(2.23)

速い速度の反応に相当する部分の過電圧の実測値を(2.17)式,(2.20)式および (2.23)式に適用すると,図2·16,2·17および2·18を得ることができる。

もし、CdO層の厚さが放電電流に無関係であるとすれば、速い回復過程に起因する過電 圧と放電電流との関係は(2.17)式を満足しなければならない。実測値は図2.16に示



変化を示す)過電圧と放電電流との関係



(a)30°C,0.45規定カセイカリ溶液中で1mAで放電
 (b)30°C,4.5 規定カセイカリ溶液中で5mAで放電
 (c)30°C,4.5 規定カセイカリ溶液中で1mAで放電

図2.17 開路後の $exp(\frac{2F \cdot \pi_a}{RT}) \sim 1$ と時間との関係



(a)30 ℃,0.45規定カセイカリ溶液中で1mAで放電 (b)30 ℃,4.5 規定カセイカリ溶液中で1mAで放電

図 2-1 8 閉路後の $exp(\frac{2F \cdot \pi_p}{RT}) - exp(\frac{2F \cdot \pi_a}{RT})$ と時間との関係

AN AND DESCRIPTION OF

されているようにかなりよく(2.17)式を満足する。

(2.17)式の勾配はCdO層の厚さが減少するとkCd²⁺が増大するため,大きくな るべきである。第5節までの実験結果によると,CdOのカセイカリ溶液中での分解速度 は電解液温の上昇,カセイカリ溶液濃度の増大とともに促進される。従つて(2.17)式 の勾配は電解液温の上昇,カセイカリ溶液濃度の増大とともに大きくならなければならな い。図2.16に示されているように,実測値はこの事実を定性的によく満足する。

もし、開路時の電位の回復および閉路時の電位の成長がCdO層中でのCd²⁺の拡散 によるものであれば、それぞれ $\ell_n [\exp(\frac{2F \cdot \pi a}{RT}) - 1]$ とt および $\ell_n [\exp(\frac{2F \cdot \pi}{RT}p) - \exp(\frac{2F \cdot \pi a}{RT})]$ とt との間には直線関係が成立しなけれ ばならない。しかし、実測値は図 2·17および 2·18に示されているように、2段の直線 関係を示す。これらの結果はCdO層中でのCd²⁺の拡散の複雑さによつて生じたもの と思われる。

開路時に1sec後に回復が観察される遅い反応に関係する部分の過電圧は電解液中に [HCdO₂] が飽和されている場合は放電電流の大きさによつて殆ど変化せず,常 に一定の値を示した。また、この部分の過電圧は電解液中の[HCdO₂] の活量によつ て影響を受けた。すなわち、この遅い過電圧の回復は、放電時電極界面での[HCdO₂] の活量が過飽和の状態であつたものが、開路時に飽和の状態に変化するため、(2.6)式 によつて示される平衡電位が負の方向にゆつくりと変化していくことにより起つているも のと解釈することができる。

3. 電解液が〔HCdO2〕 を含まない場合の、カドミウム電極放電時の過電圧

 $[HCdO_2]$ を含まない電解液中でカドミウム電極を放電し,開路にした場合の電位の回復は速い変化とそれに続くやや大きい遅い変化よりなることを第2章第4節および第5節で述べた。速い電位の回復を示す変化は $[HCdO_2]$ で電解液を飽和した場合と同様Cd²⁺のCdO層中での拡散のおくれによつて生ずるものと考えられ、この速い反応に関係する過電圧は図2·16に示されているように(2.18)式を満足する。この場合の勾配は著しく大であり、 k_{Cd}^2 +が著しく大であることを示す。この結果は、電解液中に $[HCdO_2]$ を含まない場合には放電によつて電極面に蓄積するCdOの量は非常に少ないという第2章第3節で示した結果とよく一致するものである。

開路時の速い回復につづく,遅い電位の回復は,電解液中に[HCdO2] を飽和させ

た電解液中での放電の場合と同様,電極界面での[HCdO2] の活量の変化によつて起 ると考えることができる。この過電圧の大きさは 0.1 mA以上の電流に対しては,放電電 流の大きさによつては殆ど 影響 を受けない。すなわち,これらの結果は,[HCdO2] で電解液が飽和された後に,CdO が電極面に蓄積していくことを示す。

閉路時の速い電位の変化の後に現われる電位の成長は放電時における電解液中の (HCdO₂) の増大によつて起るものと考えられる。もし,[HCdO₂] の活量の電 極界面での増大が閉路後の時間と放電電流とに比例するものであるならば (HCdO₂] -は(2.24)式で示される。

$$Q[HCdO_2] = Q[HCdO_2]_{\overline{a}} + \frac{I}{C_4} \cdot t$$
 (2.24)
(但し、 $Q_{[HCdO_2]_{\overline{a}}}$ は電極界面における $[HCdO_2]^-$ の放電前の活
量を示す)

 $(H_{2O}$ および (O_{12}^{-}) を一定とすれば、(2.6)式に(2.24)式を代入するととにより、(2.25)式を得る。

$$E = E_0^{(4)} + \frac{RT}{2F} \ell_n \{ \mathcal{U} [HCdO_2]_a^- + \frac{I}{C_4} \cdot t \}$$
$$= E_0^{(5)} + \frac{RT}{2F} \ell_n \{ 1 + \frac{I}{\mathcal{U} (HCdO_2)_a^- \cdot C_4} \cdot t \}$$

とこで、 $\mathbf{E} - \mathbf{E}_{0}^{(5)} = \pi_{\mathbf{b}} \cdot \mathcal{A}_{[\mathbf{HCdO}_{2}]_{\mathbf{a}}^{-}} \cdot \mathbf{C}_{4} = \mathbf{A}$ とすれば(2.25)式より(2.26) 式を得ることができる。

$$t = \frac{A}{I} [exp(\frac{2F\pi_b}{RT}) - 1]$$
 (2.26)

実測値は図 2.1 9 に示されているように時間 t の小さい部分において(2.26)式の関係 をよく満足する。その勾配は放電電流の減少とともに増大する。すなわち,(2.26)式 でAを一定とすると,A/Iは放電電流の減少とともに増大するわけで,この点よりも図 2.19の結果は(2.26)式をよく満足するわけである。図 2.19において,時間 t が大 になつてくると,すべての場合ほぼ同一の $[\exp(\frac{2F \cdot \pi b}{RT}) - 1]$ の値を示す位 置で $[\exp(\frac{2F \cdot \pi b}{RT}) - 1]$ とt との間の関係が,急に直線関係より偏倚し, $\left[\exp\left(\frac{2F\cdot\pi_{b}}{RT}\right)-1\right]$ に対して限界値を示すようになる。これは,電極界面が $\left[HCdO_{2}\right]$ で飽和し、これ以上 $\left[HCdO_{2}\right]$ の活量が増大し難くなつたためである。 開路時において,速い回復につづく,遅い電位変化を示す部分の過電圧は図 2.9に示さ れているように,窒素通気によるかくはんによつて、その回復が著しく促進される。これ は電極界面からの $\left[HCdO_{2}\right]$ の拡散速度が増大させられたために起つたものと思われ る。

これらの結果より、カドミウム電極放電時の過電圧は電極界面での $[HCdO_2]^-$ 活量の変化による(2.6)式の平衡電位の変化とCdO層中での Cd^{2+} の拡散抵抗によつて生ずることが説明された。



$$\exp\left(\frac{2\mathbf{F}\cdot\boldsymbol{\pi}_{\mathbf{b}}}{\mathbf{R}\mathbf{T}}\right) - 1$$

(10mA。minの放電を行なつた後の電極を使用)

図 2·19 exp
$$\left(\frac{2F \cdot \pi_b}{RT}\right)$$
 - 1と時間との関係
実用電池では電解液は {HCdO₂] で常に飽和された状態にあり, 従つて, 放電時生 成する中間生成物であるCdO 層中でのCd²⁺の拡散のおくれが放電過電圧の主原因と なつていることがわかる。このCdO 層中でのCd²⁺の拡散抵抗によつて生ずる過電圧 を減少させるためには,

(1) 放電によつて生成するCdO層中での拡散抵抗を減ずるか。

(2) CdOの分解速度を促進すればよい。

Cd²⁺の拡散抵抗は不純物金属の添加によつて半導体被膜を作成することにより,滅 少させることができるかもわからない。また,CdOの分解速度はCdOの溶解速度の増 大またはCd(OH)2の析出速度の増大により,増大させることが可能になるかもしれな い。カドミウム電極放電時の放電過電圧を低下させる微量添加金属としてG.T.Croft¹³⁾ はインジウムをあげているが,これは前者の影響によるものであり,細野,松井¹⁸⁾は= ッケルをあげているが,これは後者の影響によるものと思われる。

[記号]

- I:電 流
- πa:CdO層に関係する過電圧
- πb:CdOの溶解による平衡電位の変化

t:時間

kCd²⁺:CdO層中でのCd²⁺の速度恒数

ka:Cd/CdO界面での反応速度恒数

(人Cd²⁺:CdO層中でのCd²⁺の活量

Q:活量,添字は物質を示す。 Q_{Cd}^{2+} 以外はすべて電解液中での活量である。

C1,C2,C3,C4:常 数

舔字iおよびの:CdOと電解液界面およびCdとCdO界面を示す。

 $\alpha + \alpha' = 1$

第7節 結 言

本章においては,=ツケル・カドミウム式アルカリ蓄電池の負極活物質であるカドミウ ム電極の放電機構を,電子顕微鏡観察,電子線回折およびX線回折の手段によつて追跡し. さらに,放電時の電位変化,放電時および開路時の過渡現象および放電電流と過電圧との 関係を自記電位差計およびブラウン管オツシロスコープを使用して測定することにより調 べた結果について説明した。本研究に使用したカドミウム電極は白金板上にカドミウムメ ツキをしたものを陽極酸化,還元を繰り返して活性化したもので極めて再現性の良いもの であつた。

電子顕微鏡およびX線回折により、カドミウム電極放電時の表面状態の変化を観察した 結果は、Cd は放電によつて、Cd(OH)2に変化するが、その際、その反応の途中にカ セイカリ電解液に可溶性の中間生成物が生成することを示した。この中間生成物は電子線 回折の結果、CdO であることがわかつた。さらに、カドミウム電極の平衡電位の測定よ り、CdO は [HCdO₂] の形で化学的に電解液中に溶解し、これが、電解液中で Cd(OH)2 に変化していくことがわかつた。すなわち、カドミウム電極の放電反応においては、Cd は中間生成物(CdO)を通して [HCdO₂] の形で電解液中に溶解し、 電極界面において電解液が [HCdO₂] で飽和した後は、電極表面にCdO が蓄積して いく。電極表面に蓄積したCdO は電解液中に化学的に [HCdO₂] として溶解し、そ れからCd(OH)2 に変化し、電極面に析出する。

さらに,上記現象を定量的に把握し,放電時に現われる過電圧が放電反応のどの部分に 原因しているかを,分極時および開路時の電位変化および放電電流と過電圧の関係を理論 的に求め,これと実測値を比較することによつて追跡した。

これらの結果は、カドミウム電極放電時の過電圧は電極界面での $[HCdO_2]$ の活量の変化による平衡電位の変化とCdO層中でのCd²⁺の拡散抵抗によつて生ずることがわかつた。電解液中に $[HCdO_2]$ を含まない場合は前者が、電解液が $[HCdO_2]$ で 飽和された場合は後者が主に過電圧の原因となる。実用電池では電解液は $[HCdO_2]$

-66-

で常に飽和された状態にあり,放電時生成する中間生成物であるCdO 層中でのCd²⁺ の拡散のおくれが放電過電圧の主原因になつていることがわかつた。

以上の見地より,放電過電圧を減少させるためには,放電時生成する中間生成物層 (CdO層)中でのCd²⁺の拡散抵抗を減少させねばならない。その対策として,

- (1) 放電によつて生成するCdO層中での拡散抵抗を滅ずるか,
- (2) CdOの分解速度を促進させる。

よりな不純物をカドミウム活物質中に添加してやる必要があることがわかつた。

文献;

- 1) 吉沢四郎,竹原善一郎,松井正斜,電化,28,10(1960)
- 2) 吉沢四郎,竹原善一郎,電化,28,53(1960)
- 3) 吉沢四郎, 竹原善一郎, 昭和35年4月電気化学会オ27回大会(宝塚) にて講演
- 4) 吉沢四郎、竹原善一郎,昭和36年4月CITCE(国際電気化学大会)12回大会(ベルギー・ブラツセル) にて発表, Electrochimica Acta, 5,240(1961)
- 5) P. E. Lake and E. J. Casey, J. Electrochem. Soc. ,<u>105</u>, 52(1958)
- 6) P. E. Lake and E. J. Casey, ibid., 106, 913(1959)
- 1) K. Huber, J. Electrochem. Soc., 100, 376(1953)
- 8) K. Huber, Z. Elektrochem. , 61, 675 (1958)
- 9) 細野富造,松井正好,鈴木賢一,電化,27,241(1959)
- 10) 細野富造,松井正好,電化,29,34(1961)
- 11) S. Uno Falk, J. Electrochem. Soc., 107, 661 (1960)
- 12) R. W. Ohse, Z. Elektrochem. , 64, 1171(1960)

- 13) G. T. Croft, J. Electrochem. Soc., 106, 278 (1959)
- 14) H. Winkler, CITCE(8th meeting)Madrid(1956), Butterworths, London. 376(1958)
- 15) 細野富造,松井正好,電化,28,460(1960)
- 16) E. Jones and W. F. K. Wynne-Jones, Trans. Farad. Soc., 52, 1260(1956)
- 11) 白石達夫,博士論文(京大・工,アルカリ電池活物質の研究)p.115~119
 (1956)
- 18) 細野富造,松井正好,昭和33年11月化学関係学協会主催学術講演会(東京)に て発表
- 19) 久保輝一郎,加藤誠軌:X線回折による化学分析,日刊工業新聞社発行(1955)

第3章 酸化第二水銀電極放電時の現象 1)2)

第1節 緒 言

酸化第二水銀・亜鉛乾電池は正極活物質として,酸化第二水銀,負極活物質として亜 鉛,電解液として酸化亜鉛を飽和させたカセイカリ溶液を使用したアルカリ乾電池である。 この電池の特徴として,

- (1) 非常に小型で大きい電気容量が得られる。
- (2) 放電電圧の変化が小さい。
- (3) 開路電圧が一定である。
- (4) 貯蔵性が良い。

などの点をあげることができる。このように、この電池は、一般に使用されている二酸化 マンガン乾電池よりも性能が若しく優れているが、高価であり、しかも、電池を組み立て る上に種々の障害があつたため、この電池が研究され、製作されるようになつた歴史は新 しい。

この電池は1947年, Ruben³⁾ およびFriedman⁴⁾ により,まず最初に発表され た。その後,多くの改良が加えられ,現在では性能の優れた乾電池として大量に生産され るようになった。⁵⁾ わが国でも,1948年頃より三宅⁶⁾ により研究がはじめられ,現 在ではわが国でも生産されるようになつてきた。

この電池の優れた特徴は,主に正極活物質である酸化第二水銀電極によるものである。 酸化第二水銀は放電によつて水銀に変化し,生成した水銀に微細な球となつて酸化第二水 銀の表面から分離し,以後の反応の障害にならないばかりか,水銀は金属電導体であり, 放電によつて却つて活物質中でのオーム抵抗を減少させる特徴をもつている。従つて酸化 第二水銀の利用率が向上し、90%以上が利用可能となる。また,放電時のオーム抵抗に よる分極は非常に小さくなり,放電電圧の変化は小さくなる。二酸化マンガン乾電池では 正極活物質の利用率は約30%であり,従つて1AHに対して,MnO2が3.24×10 3 = 10.8(9) 必要であるが,酸化第二水銀を正極活物質に使用すると4.05×10 (9)で足りるわけである。また,本研究で示すように,この電極は開路平衡時においては, 放電量にかかわらず,常に一定の状態で存在するため,開路電圧は常に一定となる特徴を もつている。

このように,酸化第二水銀・亜鉛乾電池の正極活物質である酸化第二水銀電極は優れた 性能をもつているが,使用され始めてからの歴史が新しいため,その放電機構は解明され ていない状態であり,放電機構を研究した報告はいまだ発表されていない。しかしながら, さらに,この電池を改良していくためには,当然,酸化第二水銀電極の放電機構を詳細に 解明し,それに基いて,研究をすすめていくことが必要である。本研究は,この目的より, カセイカリ溶液中での酸化第二水銀電極の放電機構を詳細に検討し,さらに,各種の微量 不純物金属を活物質中に添加することにより,その充放電性能がいかに変化するかを調べ た。

第2節 実 験 方 法

図 3・1 のような 電解槽を使用し、各種の濃度、温度のカセイカリ溶液中での酸化第 二水銀電極の挙動について調べた。

再現性のよい,しかも解析し易い結果を得るためには,実用の電池活物質を使用すると とはできない。すなわち,常に表面積,活物質の量を一定にすることができず,また,酸 化第二水銀中での大きいオーム抵抗を伴い,しかも,活物質内部迄電解液が拡散し難く, 溶液側での大きい拡散抵抗を伴う恐れがある。従つて,放電現象のみを単独にとりだすこ とが困難である。そのためには,どうしても薄い酸化第二水銀の膜を使用する必要がある。 そこで,水銀表面をカセイカリ溶液中で陽極酸化することにより作製した酸化第二水銀の 薄膜を電極として使用し,この薄膜電極、**2** 放電反応を解析した。

分光分析により不純物が観測されない純な水銀(3回蒸溜を行なう)を使用し、この水 銀表面を図3・1のような電解槽中で、放電反応に使用する電解液と同一の液中で6mA の電流(電極表面積3cm³)で**移検感化**して作製した酸化第二水銀の薄膜^{*1} を電極として

^{*1} この薄膜はX線回折の結果,HgOのみよるなる。また,色は黄色を示し,いわゆる黄色酸化第二水銀である。この電極は動揺により著しく再現性が悪くなるため,静 置の状態で充放電反応を行なう必要がある。



A:電流計, E: 鉛蓄電池, R: 抵抗, P: 自記電位差計またはプラウン管オツシロ スコープ, a:酸化第二水銀電極(被験電極), b:水銀, c:ルギン毛管 d:Hg/HgO/4.5NKOH照合電極, e:Pt電極(相手極), f:セロフアン ン隔膜, g, カセイカリ電解液, h:パラフイン

図3・1 酸化第二水銀電極の充放電試験に使用した電解 槽の模型図

使用した。薄膜作成時の陽極酸化時間と充電過電圧は図3・2のような関係を示し、約10 ~20mVの過電圧領域で電位の平滑な部分が現われる。この部分では,自己放電が無視 されるような条件を選べば,放電によつて充電に使用した電気量の大部分が回収でき *2, この電位領域では,定量的にHgがHgOに酸化されるものと思われる。さらに,陽極酸 化を行なうと,電位は急昇し,つぎの電位領域に達し,酸素が発生するようになる。それ 故,電位が急昇しはじめる寸前まで陽極酸化を行ない,その後,直ちに放電を行なつた。 水銀表面に生成する酸化第二水銀薄膜の量は,図3・2のように,カモイカリ溶液の濃度 の低下,温度の上昇により増大する結果を示した。この種酸化第二水銀薄膜では放電時

^{*2} 第3節で詳述するように、例えば30℃、4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで 放電した場合には充電電気量の96%が放電によって回収できる。100%回収できない 大部分の電気量は放電中に自己放電によって消失したためと思われる。



	а	Ь	c	d	е
浴組成	4.5 N	0.2 N	4.5 N	4.5 N	0.2 N
	кон	кон	кон	кон	кон
浴 温 (CC)	10	10	30	50	30

図 3・2 水銀表面を 6 mA (2 mA/cm²) にて定電流充電した場合の過 電圧変化

のオーム抵抗による電位降下 は殆ど観察されず再現性も極めて良好であつた。

また, 微量添加不純物金属の影響を調べる目的に対しては,水銀中に金、銀, 亜鉛, タ リウム,インジウム,カドミウム, 鉛, 錫, ビスマスをそれぞれ単独に1モル%から0.01 モル%の範囲で添加し,水銀アマルガムとしたものを図3・1の電極保持用の器(図中の b)の中に入れ,その表面**を木**銀を単独で使用する場合と同一の条件で陽極酸化して作製 した酸化第二水銀薄膜を使用した。

カセイカリ電解液は,水酸化パリウムを加えて,炭酸イオンを炭酸パリウムとして除去 した後,窒素を通気し,窒素で飽和された状態で使用した。また,相手極で発生するガス の影響を避けるため,相手極は別の室におき,セロフアン隔膜で両権の間を遮断した。

この種電解槽と電極とを使用し、外部に設けた鉛蓄電池より強制的に電流を流すことにより放電を行なつた。電位はHg/HgO/4.5 規定あるいは1規定カセイカリ照合電極

に対して,自記電位差計およびプラウン管オッシロスコープ(内部インビーダンス5×10⁵ *Q*)を使用して測定した。液間起電力およびルギン毛管と電極との間のオーム抵抗による 電位降下は計算により補正した。

このようにして,放電時および開路時の電位の変化,放電電流と過電圧との関係,自己 放電量などを測定した。

第3節 実 験 結 果



a:4.5規定カセイカリ溶液(浴温30℃)中で、1mAで放電 b:0.2規定カセイカリ溶液(浴温30℃)中で、1mAで放電 c:0,2規定カセイカリ溶液(浴温30℃)中で、5mAで放電 d:a条件で放電中,開路後平衡に達した後の各放電段階に対する電位を結ん だ曲線

e:Cの位置で開路にし、平衡時の電位を測定

図3・3 酸化第二水銀電極の定電流放電時の過電圧変化

図3・3に定電流放電曲線の代表例を示した。1mAのような低電流放電では、その放 電曲線は平滑であり、放電中、過電圧の変化は殆どない。また、カセイカリ濃度の増大、 放電電流密度の減少によつて酸化第二水銀の利用率は増大する。低電流放電によつても 100%の利用率が得られないのは自己放電のためと思われる。5mAという高電流放電で は、利用率は75%となり、著しく悪くなる。0 しかし、この未利用の酸化第二水銀は図 3・4のように放電終了後、開路にし、電位が十分に安定した後、1mAという低い電流



充電量に対する放電容量(%)

a:0.2 規定カセイカリ溶液(浴温30℃)中で,5mAで放電 b:0.2 規定カセイカリ溶液(浴温30℃)中で,10mAで放電 c:aあるいはb条件で放電終了後,1mAで放電 d:a条件で放電中,開路後平衡に違した後の各放電段階に対する電位を 結んだ曲線

e:この位置で開路にし、平衡時の電位を測定

図3・4 酸化第二水銀電極の高電流放電時の過電圧変化

・3 放電時の電位が急落した状態においても5mA以上の高電流で放電した場合には、 水銀表面には黄色の酸化第二水銀が残存するのが肉眼的に観察され、未利用の酸化第二 水銀が電極面に残存していることを示す。一方、低電流放電の場合には(例えば、30℃ 4.5規定のカセイカリ溶液中で1mAで放電)図3・3に示されているように約96% の電気量が回収できた。この場合.放電が終了した状態においては電極面上に黄色の酸 化第二水銀は観察されず、しかも更に低電流(例えば0.1mA)で放電した場合に回収 される電気量は1%以下であつた。従つて、低電流放電の場合酸化第二水銀が100% 利用できなかつた原因は、主に放電中における自己放電のためと思われる。 で放電することにより幾分利用される。すなわち,この事実は,高電流放電では未利用の 酸化第二水銀活物質が放電終了後も残存することを意味する。図3・3,図3・4中の点 線は,開路平衡時に到達する電位が,放電量によつていかに変化するかを示したものであ る。放電の進行につれて開路平衡時に到達する電位は徐々に降下する。しかも,その降下 する割合は放電電流の増大とともに著しく大となる。



a:この位置で開路にする。

b:充電後直ちに1mAで放電

b':僅かに放電した電極を1mAで放電

c:催かに放電した電極を5mAで放電

(1) 4.5 規定カセイカリ溶液(浴温10℃)中で放電した場合

(2) 0.2 規定カセイカリ 密液(浴温30°C)中で放電した場合

図3・5 定電流放電時の電位変化および開路時の電位変化

図3・5に、定電流放電時の電位変化および開略時の電位変化を示した。充電後、最初 の放電時における電位変化および開略時の電位変化は数80cから1min程度で成長または回 復する変化のみを示し、オーム抵抗に起因すると思われる瞬間的な変化は現われない。一 度放電した後、開路にし、さらに放電を行なう場合には必ず過電圧の極大が現われた。

つぎに、定電流放電を行ない、放電反応が平衡状態に達した状態での過電圧と放電電流



図3・6 各種電解液々温に対する定電流放電時の放電電流と過電圧との関係

との間の関係を測定した。その結果を図3・6に示す。放電過電圧はカセイカリ溶液の濃 度にはあまり影響されず,電解液温度によつて著しく影響をうけることがわかる。すなわ ち,電解液温度の上昇により過電圧は著しく低下する。しかし,電解液濃度の減少による 過電圧の低下は温度による影響に比べると僅かである。また,放電過電圧と放電電流との 間の関係は,電解液温度を変化させても殆ど同一の傾向を示し,放電電流が増大するにつ れて,過電圧は著しく増大し,限界電流を示すようになる。

また,電極中に不純物を添加することにより,放電過電圧を変化させることができる。 図3・6には,亜鉛を添加した場合を例にして示したが.亜鉛を電極中に添加することに より著しく過電圧を低下させることができる。この現象については第3章第5節不純物の 影響の項で詳述する。

第4節 考 察

1. 放電時における酸化第二水銀電極の平衡電位

図3・3,図3・4にみられるように,放電の進行とともに開路時の平衡電位は徐々に 降下する。また,高電流放電では酸化第二水銀活物質の利用率は非常に悪い。すなわち, 放電時電位が急落する状態においても未利用の酸化第二水銀が電極面上に存在しているも のと思われる。この未利用の活物質は電極を開路にした後,電解液中に放置することによ り,再び利用することが可能であることがわかつた。また,図3・5にみられるように, 開路時および閉路時の電位変化には瞬間的な変化が現われず,比較的遅い変化のみが観察 され,放電時の分極は化学分極かあるいは濃度分極によつて起るものと思われる。これら の現象は次に示すような原因により起つたものと思われる。

酸化第二水銀電極の放電においては,直接Hgが生成するのではなく,その中間に何らかの 生成物が生成し、これの分解によつてHgが生成する。すなわち,HgOとその中間生成 物が固溶体をつくるために、平衡電位の放電に伴う降下が観察され,また,この中間生成 物が電極面に蓄積されるために、高電流放電での利用率が低下したものと思われる。また、 図3・5にみられたような,放電の閉路時および開路時の遅い電位変化はこの中間生成物 の蓄積および崩壊によつて現われるものと思われる。閉路時に現われる過電圧の極大は、 放電後開路にした後,残存する不働態化した中間生成物または放電生成物であるHgが電 極表面を覆い,そのため,この中間生成物層またはHg層を通して,反応が進行しなけれ ばならないことに起因するものと思われる。

図3・6より、放電電流の対数と過電圧の間には直線関係が成立しないが、放電電流の 増大に対して過電圧の上昇する傾向は、電解液温度の変化に対して、同様な傾向を示すこ とがわかつた。また、電解液として使用したカセイカリ溶液の濃度の変化によつては過電 圧は影響を受けず、放電反応の律速段階はカセイカリ溶液中のOH-とは無関係であることがわ かつた。図3・6によると、過電圧が急昇する迄のTafel式の勾配は、活性化過電圧、濃度 過電圧に起因すると考えるよりもむしろ小さい勾配を示し、他に過電圧の原因をもとめる べきであることがわかる。

これらの結果をもとにして,酸化第二水銀電極の放電反応においては中間生成物が生成 し、これの崩壊によって最終的にHgOはHgに変化すると仮定する。また,中間的な状 態として酸化第二水銀の結晶格子中のHg²⁺の一部がHg⁺に還元され,還元量に相当 するだけのO²⁻が水と反応してOH⁻となり,電解液中に逸散した状態のものを仮定す る。これは,酸化第二水銀結晶格子中のHgOの一部がHg₂Oとなり,中間的な状態と してHgO中にHg₂Oが固溶体として混入している場合と同一の状態を示すものである。 このHg₂Oは酸化第二水銀結晶格子中に固溶体として存在するため,非常に不安定な状態 にあるものと思われる。従って,このHg₂Oは不均一化反応によってHgOとHgに分解 すると仮定できる。すなわち,HgOは放電によって最終的にHgに変化するわけである。

これを模型的に示したのが図3・7(A)である。酸化第二水銀は分子式ではHgOで示き れるが,結晶学的にはHg²⁺ とO²⁻ が交互に三次元的に並んだものである。この図で は6個のHg²⁺ のうち2個がHg⁺ に変化し、この単位体2個が不均一化反応によつ て酸化第二水銀結晶と水銀とに分解していく過程を示した。実際には,結晶中にはHg²⁺ は無限に存在するわけである。この図からもわかるように,結晶学的には中間生成物を (Hg₂O)_nで示した場合酸化第二水銀は (HgO)_{2n}なる形で示されるべきである。従 って図3・7(A)に示された反応は次式で示すことができる。

 $(HgO)_{2n} + nH_2O + 2ne \rightleftharpoons (Hg_2O)_n + 2nOH^- \dots (3.1)$ $2 (Hg_2O)_n \rightleftharpoons (HgO)_{2n} + 2nHg \dots (3.2)$ CCONAGEORDER CONSTRUCTED CONSTRUCTURED CONSTRUCTED CONSTRUCTURED CONSTRUCTU

 $(HgO)_2 + H_2O + 2e \iff Hg_2O + 2OH^- \dots (3 \cdot 1)'$ $2Hg_2O \rightleftharpoons (HgO)_2 + 2Hg \dots (3 \cdot 2)'$ それ故,全反応は (3 · 1)' 式×2+ (3 · 2)' 式より (3 · 3) 式のようになる。

定し,固溶体に対してもNernst が電解液に対して求めたと同様な平衡電位の理論が成 立すると仮定すれば,(3・4)式で示すことができる。

$$E = E_0^{(1)} - \frac{RT}{F} \ell n - \frac{\mathcal{A}_{GH} \cdot \mathcal{A}_{(Hg_2O)}}{(\mathcal{A}_{H_2O})^{\frac{1}{2}} \cdot \mathcal{A}_{(HgO)_2}} \dots (3-4)$$

(B)

$$Hg^{2+} O^{2-} Hg^{2+} O^{2-} Hg^{$$

 Hg^{2+} O^{2-} Hg^{2+} O^{2-}

(A)

 $Hg^{2+}O^{2-}Hg^{2+}O^{2-}$

$$Hg^{2+} O^{2-} Hg^{+} V^{2-} Hg^{+} Hg^{+} O^{2-} Hg^{2+} O^{2-}$$

$$Hg^{2+} O^{2-} Hg^{2+} O^{2-} Hg^{2+} O^{2-} Hg^{2+} H_2O + 2e \rightleftharpoons O^{2-} Hg^{2+} O^{2-} Hg^{2+} + 2OH$$

$$Hg^{2+} O^{2-} Hg^{2+} O^{2-} Hg^{2+$$

こゝで, (3・1)' 式の反応によつて電極の表面に生成するHg2Oのモル分率をLとすれば,電極表面での (HgO)2 のモル分率は1-Lとなるから, (3・4)式は (3・5)式のように表わされる。

$$E = E_{o}^{(1)} - \frac{RT}{F} \ell n \frac{\partial eH}{(\partial H e O)^{\frac{1}{2}}} - \frac{RT}{F} \ell n \frac{L}{1-L} \dots (3-5)$$

ここで、充電終了時においては、 L_{1-L} が一定であると仮定すれば、 (3・5)式は (3・6) 式のようになる。

• 4 (3・1)', (3・2)'式で示された放電反応においては中間生成物としてHg⁺ のつくる酸化物として一般によく知られている酸化第一水銀(Hg₂O)を考えた。一方 二酸化マンガン電極, 過酸化ニッケル電極の放電時には放電の途中で水酸化物を生成す る。すなわち,前者はMnOOHを後者はNiOOHを生成する。酸化第二水銀電極の 放電時においても,これら電極の挙動より類推して Hg⁺のつくる水酸化物である HgOHを中間生成物として考えることも可能と思われる。この場合は図3・7 (B) に示されているように酸化第二水銀の結晶格子中のHg²⁺がHg⁺に還元されその量だ けH⁺が電解液中より結晶格子中に導入され,結晶が崩壊していくと考えられる。この ようにして生成したHgOHは酸化第二水銀中に固溶体として存在し,非常に不安定で あるため不均一化反応によつてHgOとHgに分解する。すなわち,この反応は次式で 示すことができる。

 $HgO+H^++e \rightleftharpoons HgOH \qquad (3.1)''$

 $2 \text{HgOH} \rightleftharpoons \text{HgO} + \text{HgO} + \text{HgO} \dots (3 \cdot 2)''$

この場合、電極表面でのHgOHのモル分率をLで示すとHg2Oを中間生成物として 考えた場合と同一の結果を得ることができる。すなわち、(3・5)式、(3・6)式、(3・7)式、 (3・8)式 (3・15)式と同一の式を得ることができる。これは (3・1)"式は (3・1) 式×2と電気化学的には等価であり、(3・2)"式は (3・2)"式と反応速度論的には全 く同一の理論式があてはまるからである。従つて、放電反応を理論的に考察する場合に は、中間生成物としてHg2O,HgOHのいずれを考えても差し支えない。また、以下 の実験結果よりもわかるように、中間生成物は不安定でしかも電極面での存在量がごく 微量であり、生成物自体も結晶構造的に非晶質化している状態にあるものと思われる。 従って中間生成物を確認することは不可能であり、X線回折によつては中間生成物は確 認できなかった。従つて、中間生成物がHg2OであるかHgOHであるかは現在の段階で は不明であるが、先きに述べたように、いずれを中間生成物と考えても、理論的考察に は何ら差し支えないので、ここでは中間生成物はHg2Oであるとして理論を展開する。



図3・8 浴温30℃における $\log_{10} \frac{\Omega \text{ oH}^{-}}{(\Omega \text{ H}_0 \text{ o})^{\frac{1}{2}}}$ と平衡電位との関係

図3・8に、酸化第二水銀電極の平衡電位のカセイカリ濃度による変化を示す。図中の 実線は酸化第二水銀電極を酸素が発生する状態まで充電した電極での平衡電位を鎖線は20 %放電を行なった電極での平衡電位を示す。酸化第二水銀電極の平衡電位は $\log_{10} {Q_{0H}} - {(Q_{H_20})}$ に対して直線関係を示し、20%放電を行なった電極での平衡電位は活量1

-81-

の変化に対して62mVの勾配を示し、(3・6) 式の理論勾配60mVとかなりよい一致 をみた。充電後および放電末期の電極においても平衡電位は活量1の変化に対して約63 ~60mVの勾配を示し、(3・6)式の理論勾配とかなりよい一致をみた。酸化第二水銀 電極の平衡電位は,放電電位が急落する放電末期をのぞいて,カセイカリ溶液の濃度さえ 一定であれば,放電量に関係なく,数mVの範囲では×一定の値を示す。ところが,放電 後,電位が急落した後の平衡電位は図3・8のように平衡電位は約10mV負の方向に偏 倚する。これは,放電末期においては未分解の中間生成物が平衡時においては,かなり多 く電極中に存在するが,その量は電解液中のOH⁻⁻の濃度変化によつては影響を受けない ことを示す。第2章第6節1.で述べたカドミウム電極の平衡電位とはこの点を異にするの である。すなわち,カドミウム電極放電時に生成する中間生成物の頃壊はカセイカリ溶液 に溶解することにより促進されるため,電極表面に存在する中間生成物の量はカセイカリ 濃度と密接な関係をもつていた。ところが,酸化第二水銀電極の放電時に生成する中間生 成物は(3・2)式に従つて崩壊するため、OH⁻⁻の濃度とは無関係に崩壊するのである。

2. 酸化第二水銀電極放電時の過電圧

酸化第二水銀電極放電時の過電圧について,詳細に検討してみよう。一定濃度のカセイ カリ溶液中での放電においては,酸化第二水銀電極の放電電位は, (3・5)式において, *Q*_{0H}- および *Q*_{Ha0}が一定であるから, (3・7)式で示すことができる。

$$E = E_{o}^{(3)} - \frac{RT}{F} \ell n \frac{L}{1-L} \dots (3 \cdot 7)$$

従って,放電時の過電圧,分極の成長,開路時の分極の崩壊は(3・7)式の^L/1-Lの 変化として吉沢,Vosburgh⁷⁾が酸溶液中における二酸化マンガン電極の放電機構に 対して求めた方法と同様な方法で理論的に解析することができる。

i) 開路時の分極の崩壊

放電によつて生成した中間生成物である Hg_2Ot (3・2)'式に従つて崩壊すると仮定 し、(3・2)'式の正逆両方向の速度恒数をそれぞれ k_1 , k_2 とすれば、 Hg_2Oo 崩壊 速度は (3・8)式で示される。

$$-\frac{dL}{dt} = k_1 L^2 - k_2 (1-L) \qquad (3.8)$$

平衡状態では $\frac{-dL}{dt} = 0$ であり、また開路後平衡になった状態での電極表面の Hg_2O のモル分率をLeで表わすと、平衡状態ではL=Leとなり、また、Leは極めて小さいと仮定すれば^{*5}、平衡状態では (3・9) 式が成立する。

(3・8) 式を積分し, それに (3・9) 式を代入, さらにLe² をLに対して無視すれば (3・10) 式を得る。

C1:積分常数

(3・10)式の左辺に1を加減し、1±Le=1とし、 K₁ = $\sqrt{(k_2)^2 + 4k_1k_2}$ とすれば、(3・11)式を得る。

一方,放電時の電極電位は(3・7)式により,Lと(1−L)の比によつて決定される。 分極安定状態ではL=Lp,E=Ep,開路平筒状態ではL=Le,E=Ee,また,開 路後の時間に対する電位の増加をΔE=E-Ep,放電過電圧をΔEe=Ee-Epとお くと,(3・7)式より,(3・12)式および(3・13)式を得る。

$$\Delta E e = \frac{RT}{F} \cdot \ell n \left[\frac{1-L}{L} \cdot \frac{Lp}{1-Lp} \right] \dots (3 \cdot 12)$$

$$\Delta E e = \frac{RT}{F} \cdot \ell n \left[\frac{1-Le}{Le} \cdot \frac{Lp}{1+Lp} \right]$$

$$\cong \frac{RT}{F} \cdot \ell n \frac{Lp}{Le(1-Lp)} \dots (3 \cdot 13)$$

*5 平衡電位が放電量にかかわらず殆ど一定であり、しかも中間生成物がX線回折に よつては確認できないことより、Leは1に比べて極めて小さいものと思われる。 (3・11) 式, (3・12) 式および (3・13) 式より (3・14) 式を得る。

$$\ell_{n}\left(\frac{(a+b)}{(a-b)}\right) = K_{1}t + \ell_{n}\left(\frac{(a+1)}{(a-1)}\right) \dots (3.14)$$

$$(\underline{H}\cup, a = \exp\left(\frac{(\underline{A} \underline{E} e) \cdot F}{RT}\right)$$

$$b = \exp\left(\frac{(\underline{A} \underline{E}) \cdot F}{RT}\right)$$

開略時の電位の時間に対する変化は (3・14)式に従って決定される。

iì 放電時の分極の成長

放電初期における電極表面での低級酸化物の増加速度 <u>dL</u> は,その生成速度をk'I で表わすと, (3・8) 式と組み合わせて (3・15) 式で表わすことができる。

$$\frac{dL}{dt} = k' I - k_1 L^2 + k_2 (1-L) \dots (3.15)$$

定電流放電において分極が安定した状態では, $\frac{d L}{d t} = 0$ であり、この時 $L = L_p$ とすれば (3・15) 式は (3・16) 式のようになる。

 $k' I = k_1 L_p^2 + k_2 L_p - k_2 \cdots (3.16)$

従って, (3・15) 式は (3・17) のように書きかえられる。

$$\frac{dL}{dt} = k_1 (Lp-L) \cdot (Lp+L+\frac{k_2}{k_1}) \quad(3.17)$$

(3・17) 式を積分すると、(3・18) 式を得る。

$$\frac{1}{2Lp+k_2/k_1} \ell n \frac{Lp+L+k_2/k_1}{Lp-L} = k_1 t + C_2 \dots (3.18)$$

C2: 積分常数

ここで、 k_2 / k_1 は一般に極めて小であると考えられる。従つて、 $k_2 / k_1 \Rightarrow 0$ であり、 また、t=0において L=Li とし、 Δ Ei=Ei-E、 Δ Ep=Ei-Epとおくこと、(3・18)式は (3・19) 式のようになる。

$$\ell n \frac{2Li/(1-Li) + \exp\{-(\Delta Ei) \cdot F_{RT}\} + \exp\{-(\Delta Ep) \cdot F_{RT}\}}{\exp\{-(\Delta Ei) \cdot F_{RT}\} - \exp\{-(\Delta Ep) \cdot F_{RT}\}}$$
$$= 2k_{1}L_{p}t + \ell n \frac{Lp + Li}{Lp - Li} \qquad (3.19)$$

(3・19)式でLiは小さいと考えられるから、2Li (1-Li) を無視すれば (3・20) 式を得る。

$$\ell n \left(\frac{(c+d)}{(c-d)} \right) = 2 k_1 L_p t + \ell n \left(\frac{L p + L i}{L p - L i} \right) \dots (3 \cdot 20)$$

$$(E U, c = exp \left(\frac{-(\Delta E i) \cdot F}{RT} \right)$$

$$d = exp \left(\frac{-(\Delta E p) \cdot F}{RT} \right)$$

放電時の電位の時間に対する変化は (3・20) 式に従って決定される。

iii) 定電流放電時の放電電流と過電圧の関係

(3・15) 式において,分極が安定した状態では, $\frac{dL}{dt} = 0$, 従って, 電流 I は (3・21) 式で示される。

$$I = K_1 L p^2 - K_2 (1 - L p) \qquad (3 \cdot 21)$$

$$(1 - L p) (3 \cdot 21)$$

$$(2 - K_1 = k_1 / k', K_2 = k_2 / k'$$

(3・13) 式を変形すると (3・22) 式を得る。

$$L_{p} = \frac{1}{1 + \left(\frac{1 - L_{e}}{L_{e}}\right) \exp\left(-\frac{GEe}{R_{T}}\right)} \dots (3.23)$$

(3・21)式と(3・22)式を組み合わせると、(3・23)式を得る。

$$I = \frac{K_{1}}{\left\{1 + \left(\frac{(1-Le)}{Le}\right) \exp\left(-\frac{(\Delta Ee)}{RT}\right)\right\}^{2}}$$

$$-\frac{K_2\left(\frac{(1-Le)}{Le}\right) \exp\left(-\frac{(\Delta Ee) \cdot F}{RT}\right)}{1+\left(\frac{(1-Le)}{Le}\right) \exp\left(-\frac{(\Delta Ee \cdot F)}{RT}\right)} \dots (3.24)$$

開路平衡状態においては (3・25) 式が成立する。

 $Le/(1-Le \ll exp \left(-(\Delta Ee) \cdot F/RT \right)$ であるとすると、(3・24)式と

(3・25) 式より (3・26) 式を得る。

$$I = \frac{K_2}{1 - Le} \exp \left(\frac{2 F \cdot (\Delta E e)}{RT}\right) - K_2 \dots \dots \dots \dots \dots (3 \cdot 26)$$

放電電流と過電圧との間には(3・26)式の関係が成立する。

(3・1) 式および (3・2) 式に従って放電が進行し,放電の律速段階は (3・2) 式の反応であると仮定して,解析を行なった結果,開路時の分極の崩壊,放電時の分極の成長, および放電電流と過電圧の関係に対して,それぞれ (3・14) 式, (3・20) 式および (3・26) 式の理論式を得ることができた。そこで,実測値に対して (3・14)式, (3・ 20) 式および (3・26) 式を適用した。その結果が図3・9,図3・10および図3・11

である。

開略時の過電圧の回復は図3・9に示されているように、いずれの電流での放電におい ても、実測値が0.1min 以内の部分で理論曲線より僅かに偏倚する以外は、理論値と かなりよい一致をみた。すなわち、この事実は、本研究で仮定した酸化第二水銀電極 放電機構が妥当であることを示すものと思われる。

開路時の過電圧の成長は図3・10のa, c曲線に示されているように, 十分に充電し た後の電極の使用では実測値は理論値とかなりよく一致する。しかし,僅かに放電を行な い,電極表面にHgが析出した状態になったものでは,図3・10のb', c' 曲線に示さ れているように,放電開始時に過電圧の極大を示し,理論曲線より著しく偏倚する。これ は,(3・2)式に従って,放電時Hgが生成し,このHgが電極表面を覆うため,H2O あるいはOH⁻⁻の電極面への供給あるいは逸散が困難となり,(3・1)[']式の反応抵抗が 著しく大となったものと思われる。従って,放電を行なって,このHgを電極面より,除



(3・14)式より計算した理論曲線
 --∞-- 実測値
 a:30℃,0.2規定カセイカリ溶液中で1mAで放電後
 b:30℃,4.5規定カセイカリ溶液中で5mAで放電後
 c:30℃,4.5規定カセイカリ溶液中で10mAで放電後
 d:10℃,4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで放電後
 e:10℃,4.5規定カセイカリ溶液中で5mAで放電後

図3・9 開路時の過電圧の回復

去した後は理論曲線上にのるべきであり、図3 ・ 1 0 の b' , c' 曲線に示されているよう に、過電圧の極大を過ぎた後は実測値は理論曲線上にのるようになる。

図3・11は I と exp $\begin{pmatrix} 2F \cdot (\Delta E e) \\ RT \end{pmatrix}$ の間に直線関係が成立することを示し、 先きに示した仮説の妥当性を示す。図3・11よりK2 および (1-Le) の近似値を求 めることができる。図3・11の直線はすべて exp $\begin{pmatrix} 2F \cdot (\Delta E e) \\ RT \end{pmatrix}$ 軸の1の近



----- (3・20)式より計算した理論曲線 ----- 実 測 値

a:充電後直ちに30℃,0.2規定カセイカリ溶液中で1mAで放電

b': 値かに放電した電極を30℃,0.2規定カセイカリ 密液中で5mA で放電

c:充電後直ちに10℃,4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで放電

c': 僅かに放電した電極を10℃,4.5規定カセイカリ溶液1mAで 放電

図3・10 閉路時の過電圧の成長

傍を通っており、1ーLe=1であることを示す。すなわち、平衡時においては電極表面 には殆ど中間生成物は存在しないことを示す。また、K2 は温度の上昇とともに大となり、 反応速度が温度の上昇とともに増大するという定性的結果とよく一致する。図3・11よ り各温度に対するK2 を求め、 ℓ nK2 と1/Tとの関係を求めたのが図3・12である。 ℓ nK2 と1/Tとの間には図3・12のような直線関係が成立し、この直線の勾配より 得られるArrhenius の常数値は5.41Kcal/mol であつた。この値は拡散過程よ



図3・11 4.5 規定カセイカリ溶液中での各種電解液を温に対する exp $\left(\begin{array}{c} 2 \left(\varDelta E e \right) \cdot F \end{pmatrix}$ と放電電流の関係



図3・12 4.5規定カセイカリ溶液中での放電に対する I/Tと ℓ n K₂ との関係

りもむしろ化学反応に近い値であり、(3・2)式のような化学反応が律速段階であるこ とを示す。図3・6に示したように、放電過電圧は電解液中のOH⁻の濃度の変化によ って殆ど影響を受けない。すなわち、Arrheniusの常数値は電解液中のOH⁻の濃 度によつては殆ど変化せず、中間生成物の分解反応はOH⁻とは無関係であることを示し、 (3・2)式の仮定が正しかつたことを示す。

これらの結果より,酸化第二水銀電極放電時の過電圧は放電時電極表面へ蓄積する中間 生成物であるHg2 Oの崩壊速度の遅れによつて生ずることが説明された。

(記 号)

I:電流

L:電極表面における,中間生成物のモル分率

E:放電電位

- t:時間
- k1, k2, K1, K2 : 反応速度恒数

(化:活量,添字は物質を示す。

C1, C2: 積分常数

添字p, eおよびi: それぞれ分極後安定状態,開路後平衡状態および放電開始前の状態 を示す。

第5節 不純物の影響2)

第3章第4節で述べたように,酸化第二水銀電極の放電反応は中間生成物の生成を通し て進行する。すなわち,放電時にはまず最初にHg2OあるいはHgOHが生成し,次いで この中間生成物が不均一化反応によってHgOとHgに分解して反応が進行する。従って, 中間生成物の生成反応あるいは不均一化反応を促進する不純物を酸化第二水銀中に添加す れば放電過電圧を低下させることができる。しかし,このような不純物の添加によって自 己放電は却って促進されるものと予想される。

このような現象を認識する目的で,酸化第二水銀中に微量の不純物を添加した場合の放 電特性を調べた。不純物の添加方法は第3章第2節で述べたように,出発電極である水銀 中に不純物金属を添加して水銀アマルガムを作製し、このアマルガム表面を陽極酸化する ことにより,酸化第二水銀中に不純物を含ませる方法をとつた。不純物金属としては水銀 とアマルガムを作り易い金,銀,亜鉛,鉛,タリウム,インジウム,カドミウム,錫,ビ スマスを選んだ。金および銀の水銀アマルガム(本研究では0.01モル%より1モル%の 範囲でアマルガム濃度を変化した)の表面をカセイカリ溶液中で定電流で陽極酸化する場 合は水銀のみの表面を陽極酸化する場合と同様,陽極酸化後直ちに電極表面に微化第二水 銀が生成する。金および銀以外の金属の水銀アマルガムではその表面をカセイカリ溶液中 で定電流で陽極酸化すると、電極表面に酸化第二水銀が生成する前に添加した金属のイオ ン化反応がおこり、添加金属が溶液中に溶解していくか、あるいは、添加金属の酸化物, 水酸化物などが生成して水銀表面が覆われる。とくに、これら添加金属の量が0.1モル% 程度以上の場合には、これら添加金属のイオン化の過電圧が低く、電極面全面にこれ ら添加金属の酸化物あるいは水酸化物が生成し、不物態被膜をつくるため、陽極酸化によ っては酸化第二水銀を水銀表面に作製することはできない。従つて、金および銀を添加し た水銀を出発電極とした以外は水銀中への金属の添加量を極く少量にした0.01モル%の 場合についてのみ研究を行なつた。

図3・13 に各種の添加金属を含む水銀表面をカセイカリ溶液中で定電流で陽極酸化した場合の充電電位と充電時間の代表例を示した。また,図3・14 にこのようにして充電した電極を定電流で放電した場合の放電曲線を示した。

録あるいは金を添加した水銀表面をカセイカリ溶液中で陽極酸化する場合には,電流通 過後直ちに水銀表面に酸化第二水銀が生成する。銀を添加した場合には,何も添加しない 純な水銀面を陽極酸化した場合(図3・13,a)と同様な充電曲線を与えた。また,金 を添加した場合には,充電曲線は図3・13,b曲線に示したように2段の充電曲線を示 した。2段目の充電曲線は酸化第二水銀生成時の平衡電位よりも約50mV費などころで 現われ,この部分でも酸化第二水銀が定量的に生成することが図3・14,c曲線よりわ かる。すなわち,図3・14 c曲線に示されたように充電曲線の2段目の状態終了迄充電 した場合,その充電に要した電気量の約95%が酸化第二水銀の還元反応に相当する放電 (放電過電圧が10mV以下で放電が行われる1段の放電曲線を示す)によつて回収でき, この充電曲線の2段目の状態においても酸化第二水銀が生成していることがわかる。回収 できなかつた5%の電気量は第3章第3節で詳述したように自己放電によるものと思われ る。水銀中にインジウムを添加した電極を出発電極とした場合には,図3・13.c曲線に 示したように,充電電位が酸化第二水銀生成電位にといまる時間が者しく長くなり,電極

-91-



a:出発電極として水銀のみを使用(不純物を加えなかつた場合) b:出発電極として金1モル%を含む水銀アマルガムを使用 c:出発電極としてインジウム0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用 d:出発電極として亜鉛0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用 e:出発電極として鉛0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用 f:出発電極として錫0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用

g:出発電極としてビスマス0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用

図3・13 水銀アマルガム表面を6mA (2mA/cm²) にて定電流充電した 場合の電位変化 (30℃,1規定カセイカリ 溶液中にて充電を行なう)

表面に酸化第二水銀が生成するための電気量が著しく大であることを示す。この電位領域 より電位が急昇するためには、電極面全面が酸化物被膜で覆われなければならない。イン ジウムを水銀中に添加した電極においては、カセイカリ溶液中で陽極酸化する場合、まず 最初にインジウムのイオン化による溶解反応がおこり、溶解反応の分極が次第に大となり、



a:出発電極として水銀のみを使用(不純物を加えなかつた場合)

b:出発電極として銀1モル%を含む水銀アマルガムを使用

c:出発電極として金1モルバを含む水銀アマルガムを使用

d:出発電極として亜鉛0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用

e:出発電極として鉛0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用

f:出発電極としてタリウム0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用

g:出発電極としてインジウム0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用

h:出発電極としてカドミウム0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用

b: b電極を使用して放電した場合の各放電段階に対する開路到達電位の変化

e: e電極を使用して放電した場合の各放電段階に対する開路到達電位の変化

図3・14 各種不純物を含む酸化第二水銀電極を充電後直ちに1mAで放電 した場合の過電圧変化 (30℃,1規定カセイカリ溶液中にて放電を行なう)

遂に,電位は急昇し,電極表面に酸化第二水銀が生成しはじめる。その後,一定の電位で 充電が行なわれ,電極面に酸化第二水銀が生成する。インジウムを添加した場合には,後 に示すように自己放電が大であり,この電位領域で生成した酸化第二水銀の一部が自己放 電によつて崩壊するため,電極面全面を酸化第二水鏡で覆うために必要な電気量が大とな り,図3・13 c曲線に示されたような結果を生じたのである。従つて,低電流(自己放 電電流より低い電流)で充電した場合には電極表面に酸化第二水銀を作製することはでき ない。例えば,1mAで充電した場合,酸化第二水銀生成時の一定電位に達した後は,こ の一定電位以上には数時間充電した後も電位は上昇せず、しかも、電極面は相変らず金属 光沢を示し、黄色の酸化第二水銀を電極面上に観察することはできなかつた。すなわち、 1mAという低い電流での充電では生成した酸化第二水銀は直ちに崩壊してしまうわけで ある。添加金属として,金および銀以外の金属を加えた場合はすべてこのような現象を示 す。たゞ、インジウムと異なる点はカトミウム、亜鉛、鉛、タリウム、錫、およびピスマ スを添加した場合は、充電初期において電極面にこれら添加金属の酸化物あるいは水酸化 物を生成する点である。ビスマスを添加した場合には,生成する酸化物は被膜状のもので あり、極く僅かの充電によつて、電極面は紫色の被膜で覆われ、不働態となる。そのため に、水銀表面に陽極酸化によつて酸化第二水銀を生成させることが出来なかつた。しかし、 カドミウム,亜鉛,鉛,タリウムおよび錫を添加した場合には,陽極酸化時に生成するこ れら金属の磁化物あるいは水酸化物は電極表面に被膜状には生成せず、水銀とは別の相に 粒状化して生成するため、添加金属のイオン化反応による電位変化が急昇する状態に達し た後でも電極面は完全にこれら添加金属の酸化物あるいは水酸化物では覆われない。した がつて、水銀表面に陽極磯化によつて酸化第二水銀を生成させることが可能となる。しか し、電極の一部は添加金属の酸化物あるいは水酸化物によつて覆われるため、酸化第二水 銀生成時の電極有効面積は小さくなる。従つて,定電流充電時,酸化第二水銀生成時の電 位に入つて後、電位が急昇しはじめる迄に生成する酸化第二水銀の層は著しく小さくなる。 そのために,図3・13d, eおよびf曲線に示されたような結果が現われたものと思わ れる。とくに、錫を添加した場合には、陽極酸化時の最初の段階で生成する錫の酸化物の 量が大であるため,図3・13f曲線に示されているように電極表面に酸化第二水銀を生 成させることは不可能であつた *0

図3・14は充電電付が發化第二水銀生成電位(酸化水銀照合電極に対して0~100 mVの間の電位を示す状態をとつた)にとどまつている期間に要した電気量に対する放電 容量の割合を示したものである。図3・14において,放電時,過電圧が急激に増大した 後は,すべての電極で,電極表面に黄色の酸化第二水銀を観察することはできなかつた。 従って,放電過電圧が急激に増大する状態においては,酸化第二水銀は完全に崩壊したも のと考えられる。この状態において放電容量が100%回収できなかつたのは,充電時お

*6 錫の場合は,錫のイオン化による錯イオン,あるいは 碇化物生成時の 過電圧が小 さく,従って,過電圧が極大を示す迄の時間が長時間となり, 碇化第二水銀生成電位到 達までに 酸化物が大量に生ずる。 よび放電時の間に自己放電によつて酸化第二水銀が崩壊したためである。従つて,図3・ 14より,金および銀は酸化第二水銀の自己放電を抑制する作用があることがわかる。と くに,銀は自己放電を抑制するための有効な金属であることがわかる。一方,亜鉛、鉛, タリウム,インジウムおよびカドミウムは自己放電を促進する作用があることがわかる。 とくに,インジウムおよびカドミウムは自己放電を促進する作用が著しく大であり,カド ミウムでは僅か0.01モル%を水銀中に添加した電極を使用した場合でも,充電後直ちに 放電した場合,充電量の5%しか放電によつて電流はとり出せない。この場合は充電後カ セイカリ 溶液中に放置した状態においても,自然に酸化第二水銀は崩壊する。すなわち, 0.01モル%のカドミウムを含む水銀表面を6mAで酸化第二水銀生成電位より充電電位 が急昇しはじめる状態迄充電した場合,電極面に生成した黄色の酸化第二水銀は約6min で完全に崩壊する。

そこで,この自己放電の現象をさらに詳細に認識する目的で,各種不純物を添加した設 化第二水銀電極の放電時および放電後開路にした場合の電位変化を調べた。図3・15に それら電位変化の代表例を示す。

不純物を含まない場合には図3・15(1)に示したように放電時の閉路時および開路時の 電位変化はかなり遅い変化であり、しかも、過電圧は他の場合よりも大である。出発電極 として金および銀を添加した水銀を使用した場合には不純物を含まない場合と殆ど同一の 電位変化を示し、過電圧自身が幾分小さくなるに過ぎなかつた。一方、出発電極として亜 鉛を0.01モル添加した水銀を使用した場合には、図3・15(2)に示したように放電時の 閉路時および開路時の電位変化は不純物を含まない場合よりも速い変化として現われ、し かも放電過電圧はすでに図3・6(p・76)に示したように者しく小さい値を与えた。 これらの事実は亜鉛によつて放電時生成する中間生成物の崩壊反応が促進されることを示 すものである。酸化第二水銀電極の放電反応は第3章第4節で述べたように、

 $(HgO)_2 + H_2O + 2e \rightleftharpoons Hg_2O + 2OH^-$ (3.27)

2 Hg2 U ⇄ (HgO)2 +2 Hg ······(3·28) (3·27) 式および (3・28) 式の2段の反応で進行する。亜鉛の添加によつて (3・28) 式の反応が促進されたわけであるが,自己放電は (3・27) 式の反応も同時におこらなけ れば進行しない。ところが亜鉛の場合,



a:1mAにて放電, b:開路

(1):出発電極として水銀のみを使用(不純物を加えなかつた場合)

- (2):出発電極として亜鉛0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用
- (3):出発電極として鉛0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用
- (4):出発電極としてカドミウム0.01モル%を含む水銀アマルガムを使用

図3・15 各種不純物を添加した ほ化第二水銀電極放電時の 閉路時 および 開路時の 電位 変化 で示される反応は(3・29)式の反応と組み合わされて容易におこり, 健化第二水銀の自 己放電が促進されるわけである。出発電極としてカドミウムを0.01モル光合む水銀を使 用した場合には,図3・15(4)に示すように, 放電過電圧(閉路時および開路時の電位差) は著しく小さくなり,しかも閉略時および開路時の電位変化も非常に速くなる。とくに, この場合は, 放電後開路にした場合の電位変化は過電圧が回復した後,電位が徐々に降下 する結果を示した。これは, 放置時においても放電が進行していること, すなわち, 自己 放電速度が大であることを示すものである。インジウムを不純物として添加した場合も, カドミウムを不純物として添加した場合と同様の電位変化を示し,(3・28)式の反応を 促進させる作用が著しいことを示した。

出発電極として鉛を0.01モル%添加した水銀を使用した場合には,開路時に到達する 電位は図3・14 e² 曲線に示したように徐々に降下する結果を示した。また,放電時の 開路時および閉路時の電位変化は図3・15(3)に示されているように亜鉛を添加した場合 の電極を使用した場合に比べて,かなり遅い変化を示した。しかし,放電過電圧は不純物 を含まない場合より小さい値を示した。これらの結果より,放電時,鉛と水銀の両方を含 むような酸化物が生成していくのではないかと思われる。タリウムを添加した電極を使用 した場合も鉛を添加した場合と同様の結果を示した。しかし,鉛あるいはタリウムを添加 した電極を使用した場合においても放電過電圧は著しく小さくなることより,放電時生成 する中間生成物の崩壊速度が鉛およびタリウムにより促進されることがわかる。従って, 鉛およびタリウムによつても酸化第二水銀の自己放電が促進される。

金あるいは銀を添加した場合は放電過電圧は不純物を含まない場合よりも僅かに小さく なり、(3・28)式で示される中間生成物の崩壊反応を僅かに促進させるものと思われ る。しかし、金および銀はそれら金属の酸化物の生成電位が水銀の酸化反応の電位よりも 貴であるため、(3・27)式で示される反応は自然にはおこらない。従って、自己放電は 著しく抑制され、しかも、放電時の過電圧は小さくなる。すなわち、酸化第二水銀電極の 放電反応に対して、その性能向上のために有効な添加物であることがわかる。

以上, 歳化第二水銀電極の放電反応に対する不純物の影響について調べた。不純物を食 化第二水銀中に添加することによつて(3・28)式で示される放電時生成する中間生成 物の分解反応の速度が影響をうけることがわかつた。金および銀はこの反応速度を僅かに 促進し, 亜鉛, 鉛, タリウム, インジウムおよびカドミウムはこの反応速度を著しく促進 する作用を持つことがわかつた。とくに, インジウムおよびカドミウムではその作用が非 常に大きいことがわかつた。また,放電時には(3・27)式で示される放電反応がまず 最初におこらねばならない。この反応が自然におこると自己放電の原因となるわけであり, 亜鉛,鉛,タリウム,インジウムおよびカドミウムは水銀よりもそのイオン化反応が卑な 電位でおこるため,(3・27)式で示される反応はこれら金属が存在すると自然に進行 する。従つて,亜鉛,鉛,タリウム,インジウムおよびカドミウムは(3・27)式およ び(3・28)式の反応を促進させるため酸化第二水銀電極の自己放電を促進させる有害 な不純物であることがわかつた。一方,金および銀は(3・27)式の反応を抑制し,し かも,(3・28)式の反応を僅かに促進させる金属であり,酸化第二水銀電極の自己放 電を防止し,しかも放電過電圧を下げる作用を示し,酸化第二水銀活物質の性能向上のた めに,有効な添加金属であることがわかつた。

第6節 結 言

本章においては,酸化第二水銀・亜鉛乾電池の正極活物質である酸化第二水銀電極の放 電時の電位変化,放電時および開路時の過渡現象および放電電流と過電圧との関係を,カ セイカリ電解旋の濃度を変えた場合,酸化第二水銀中に微量の不純物を添加した場合に対 して測定し,これをもとにして酸化第二水銀電極の放電機構を考察した。本研究に使用し た酸化第二水銀電極は水銀表面をカセイカリ溶液中で陽極酸化することにより作製した酸 化第二水銀の薄膜電極であり,この電極の再現性は極めて良好であつた。さらに,不純物 の影響を調べるための電極は,出発電極である水銀中に不純物金属を添加して水銀アマル ガムを作製し,このアマルガム表面を陽極酸化することにより,酸化第二水銀中に不純物 を含ませる方法によつて作製した。

酸化第二水銀電極放電時の過電圧はカセイカリ濃度によつて影響されず,電解液の液温 と放電電流密度によつてのみ変化する。この過電圧は放電時に中間生成物としてHg2O あるいはHgOHが生成し,これの崩壊の遅れが過電圧の原因であるとして求めた理論式 を満足する。すなわち,酸化第二水銀電極の放電時には,まず酸化第二水銀結晶中の2価 の水銀イオンの一部が1価の水銀イオンに変化し,1価および2価水銀イオンを含む酸化 物あるいは水酸化物の固溶体を生成する。このものは非常に不安定であり,直ちに不均一 化反応によつて崩壊し,酸化第二水銀と水銀に変化し,水銀を別の相に分離して反応が進 行する。1価の水銀イオンを含む化合物で,カセイカリ溶液中で存在し得るものとして Hg2OおよびHgOHが考えられるが,いずれを考えても,放電反応を理論的に考察する 上には差し支えないことがわかったので,本研究では放電時に中間生成物としてHg2Oが 生成するとして考察をすすめた。上記,1価および2価水銀イオンを含む固溶体はHgO とHg2Oとの固溶体として考えることができ,しかもHgOおよびHg2Oは結晶学的には 水銀イオンと酸素イオンとが無限に立体的につながっているものであるから反応式を書く 場合にはHg2Oに対して,HgOは (HgO)2 として表現すべきである。従って,放電 反応は (3・29) 式および (3・30) 式に従って進行すると考えられる。

 $(HgO)_2 + H_2O + 2e \rightleftharpoons Hg_2O + 2OH^-$ (3.29)

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{0} - \frac{\mathbf{RT}}{\mathbf{F}} \ell \mathbf{n} \frac{\mathcal{A}_{0 \mathbf{H}}}{(\mathcal{A}_{\mathbf{H}_{2}0})^{\frac{1}{2}}} - \frac{\mathbf{RT}}{\mathbf{F}} \ell \mathbf{n} \frac{\mathcal{A}_{\mathbf{H}_{g_{2}}0}}{1 - \mathcal{A}_{\mathbf{H}_{g_{2}}0}} \cdots (3 \cdot 31)$$

酸化第二水銀電極に対して,各種の不純物を添加した場合には,放電時におこる(3・ 30)式で示される反応に影響が現われた。すなわち,金および銀はこの反応速度を僅か に促進し,亜鉛,鉛,タリウム,インジウムおよびカドミウムはこの反応速度を著しく促 進する作用を持ち,放電過電圧を減少させる作用があることがわかつた。とくに、インジ ウムおよびカドミウムはその作用が非常に大きいことがわかつた。ところが,亜鉛,鉛, タリウム,インジウムおよびカドミウムなどの金属は,(3・29)式で示される放電反 応を自然に進行させる作用をもつており,却つて,酸化第二水銀電極の自己放電を促進さ せる原因となる。従つて,酸化第二水銀活物質に対しては有害な不純物となるわけである。 とくに,カドミウムおよびインジウムは電極中にでく微量含まれても自己放電は非常に促進 されることがわかつた。一方,金および銀は(3・29)式で示された反応を抑制するた め,自己放電を防止し,しかも,(3・30)式で示される反応を僅かに促進させる作用 を示すので放電過電圧を僅かに低下させることができ,酸化第二水銀活物質の性能向上に 対して有効な添加物であることがわかつた。

文 献

- 吉沢四郎,竹原善一郎,昭和35年10月合同討論会一次電池分科会(東京)にて 発表,電化投稿中
- 2) 吉沢四郎, 竹原磬一郎, 昭和36年11月電池討論会 (京都) にて発表
- 3) S.Ruben, Trans. Electrochem. Soc., <u>92</u>, 183 (1947)
- 4) M.Friedman, ibid., <u>92</u>, 195 (1947)
- 5) J. M. Booe, J. Electrochem. Soc., <u>99</u>, 1970 (1952)
- 6) 三宅義造,博士論文(京大・工, 歳化水銀電池の製造に関する研究) (1956)
- S. Yoshizawa and W.C.Vosburgh, J.Electrochem. Soc., <u>104</u>, 399 (1957)
第4章 銀・過酸化銀系電極充放電時の 現象^{1),2),3),4)}

1) 第1節 緒 言

過酸化銀・亜鉛系電池は正極活物質として過酸化銀,負極活物質として亜鉛,電解液と して酸化亜鉛を飽和させたカセイカリ溶液を使用したアルカリ電池である。この電池の特 後として,

(1) 一次および二次電池として使用できる。

(2) 非常に小型で大きい電気容量が得られる。

(3) 放電電圧の変動が小さい。

(4) 大電流・急放電に適する。

などの点をあげることができる。この特徴は主に正極活物質である銀。過酸化銀系電極に よるものである。この電極は充放電反応を可逆的に行なうことができる。また。充電状態 では Ag()であり,放電状態ではAg であり,Ag()は半尊体として,Agは金属として, と**ま**に極めて電子伝導性が良好であるため,充放電時においてオーム抵抗による電位降下が 殆ど観察されない。このような原因で,この電極は放電電圧の変動が小さく,大電流・急 放電に適する特徴をもつことができる。

二次電池として使用されるためには,充放電反応が可逆的に進行するという条件が必要 であり、そのために、二次電池用正領活物質としては,現在のところPbO2、 β -NiCOH, AgO しか知られていない。1AHの電気エネルギーを得るためには、PbO2、 β -NiOOH,AgO はそれぞれ、利用率を100%とした場合,4.46g,3.43g,2. 31g必要である。しかも、PbO2、 β -NiOOH では活物質中での内部抵抗が大で あり、AgO のような高い利用率は期待できない。例えば、現在、米国で製作されている 各種二次電池の単位重量当りの容量を比較してみると図4・1のようになる。(Yardney Electric Corporation の資料 iO より)このように、過酸化銀電極を正極活物 質とする電池は小型、経量で大きい容量を取り出すことができる。

過酸化銀・亜鉛系電池は,このように優秀な性能をもつているにもかゝわらず,その裂



a:過酸化銀。カドミウム系審電池 b:ニツケル。カドミウム式アルカリ蓄電池 c:ニツケル・鉄式アルカリ蓄電池 d:鉛蓄電池

図 4・1 種々の蓄電池の単位重量当りのエネルギー量

.12

作された歴史は他の二次電池に比べて新しい。それは過酸化銀が反応性に富むため,自己 放電が大であり,しかも,放電生成物である銀を固相反応によつて酸化し,充電するのが 困難であつたからである。しかし,最近の電子工学の発展によつて,高性能の電池の要望 が盛んになり,この電池もにわかに脚光をあびるようになつた。第二次大戦後,その製造 研究は多くの人々によつて行なわれ,種々の方法によつて上記欠点をなくするよう努力が 払われ,現在,米国では1000サイクル以上充放電が可能な過酸化銀。亜鉛系電池が 裂作されるようになつている。

この電池は製造研究に急であつた反面,その正。負両極活物質での充放電機構に関する

研究は,最近やつと,二、三の学者によつて取り上げられつつあるに過ぎない。しかし, 目己放電の少ない,しかも,充放電性能のよい電池として改良していくためには,その基 礎資料として,この電池の正・負両優活物質 **9** 充放電機構を正確に把握しなければなら ない。

本研究では、この点に着目し、過酸化銀。 亜鉛系電池の正極活物質である銀・過酸化銀 系電極の充放電機構を追跡した。この電極 g 充放電機構は、最近、米国において、T. P.D.rkse⁹, C.P.Wales⁸⁾ によつて取り上げられ、研究されているが、電極**の** 反応**が非常**に複雑であるため、未だ完全には解明されていない。

本研究においては,著者の行なつた他の電極に対する研究の場合と同様,カセイカリ溶 液中でのこの電極の充放電時の挙動を電子顕微鏡観察,X線回折による観察によつて追跡 し,さらに,充放電時および崩路時の電位変化,電硫と電位の関係などを目記電位差計お よびブラウン管オツシロスコープを使用して御定することによつて充放電機構を追跡した。 また,この電極へ,微量の不純物を加えることにより,電極現象がいかに変化するかを同 様の方法で追跡した。

第2節 実験方法^{1),4)}

図 4・2 に示したような電解槽を使用して実験を行なつた。銀酸化物はカセイカリ電解液 中に溶解し、これが負極で銀に還元され、電解液中あるいは負極上に析出するため、自己 放電が促進される。 90100 そのために、正負両優室を別個に設け、その間を耐アルカリ性の セロフアン爆膜で濕離し、電解液中に溶解した銀糖イオンの相手極への拡散を防止した。 また、充電によつて生成した銀酸化物が電解液中に溶解しないように、電解液中には飽和 に塗するまで Ag₂ U および Ag O を溶解させた。銀酸化物は光によつて分解するた め、電解槽は暗黒にした恒温槽中に設置した。電解液はカセイカリ溶液を使用し、溶存す る CO_3^{2-} は水酸化パリウムを加え、炭酸バリウムとして除去した。また、電解中、絶え ず外部より400~450°C の銅紙上を通して酸素を除去した窒素を通気し、溶存する 酸素および水素を除去すると同時に、電解液のかくはんを行なつた。

照合電極は、Hg/Hg()/電解液と同一温度、濃度のカセイカリ溶液を使用した。また、 ルギン毛管の尖端と電極との距離は一定(=2 m)に保ち、電解時におけるその間のオー

-103-



a:銀・過酸化銀系電極(試験電極)

b:ルギン毛管

f:温度計

d:相手橛(白金電極)

c:セロフアン隔膜 e:カセイカリ電解液

g:Hg/Hg()/電解液と同濃度のカセイカリ溶液 照合電極へ

図 4・2 銀・過酸化銀電極の充放電試験に使用した電解槽の模型図

ム抵抗による電位降下は計算によつて補正した。

銀・過酸化銀系電極は、実際の電池には、焼結式あるいはペースト式の電極が使用され
ている。しかし、再現性のある結果を得るためには、この電極の使用は、第1章第3節2
で述べたように好ましくない。そこで、カドミウム電極放電時の電極現象を調べた場合
(第2章第2節)と同様に、電極はメツキ法によつて作製した。

銀・過酸化銀系電極は次のような方法によって作製した。 $2 \times 1.5_{ch}$ の白金板(片面はポリスチレン樹脂を塗布し、絶縁した。)の片面に硝酸銀(239/ ℓ)、シアン化カ リ(309/ ℓ)および硝酸カリ(1209/ ℓ)を含む30°Cのメツキ浴で、電流 20mAで40min 閉銀メツキを行なった。この電極は十分な酸化容量を持っていない ので、さらに、この電極の表面を1規定のカセイカリおよび硝酸カリを含む30°Cの溶 液中で,電流10mAで5min 間陽極酸化を行なった後,30°C,4.5規定カセイカ リ溶液中で,電流1mAで電解還元し,その後, Ag_2 () 生成時の電位が優大を示す位置 まで(電極表面が Ag_2 O で完全に覆われる状態まで)電解酸化し,さらに,この電極 を完全に銀になるまで電解還元した。このようにして作製した 電 医は電流1mAで Ag_2 () 生成時の電位が優大を示す位置まで充電した場合,その充電量は20±1mA・min と なり,再現性は極めて良好であった。

不純物の影響を調べるための銀電極は、次のようにして作製した。銀(99.99%)中 へ、不純物金属(鉛,錫,金,カドミウム、タリウム、インジウム、銅、アンチモン、ビ スマス、テルル)を2%加え、窒素気流中で1300°C で容融し、徐冷後、低温で圧延 し(圧延率1/2)、表面を羽布研磨した。その後、約400°C で5hr 焼鈍した。こ れらの電極はその後、銀メツキによつて作製した電極の場合と同一の方法で処理した。こ の場合の電極面積は1×1.5 c点であつた。

これらの電極を使用して,図4.2 に示した電解槽中で,定電流充放電時の開路および閉 路時の電位変化および充放電電流と電極電位との関係を自記電位差計およびブラウン管オ ッシロスコープ(内心インピーダンス,500 kΩ)を使用して御定した。

また,充放電時における活物質の変化を,X線回折および電子顕微鏡観察によつて調べた。X線回折用の試料,電子顕微鏡観察用のレブリカ膜は第1章第3節3に示した方法によつて作成した。

第3節 銀・過酸化銀系電極充電時の現象^{1),0}

1. 銀・過酸化銀系電極充電時の現象

銀電極のカセイカリ溶液中での定電流充電時の充電時間と電極電位との関係は図4・3 に示してあるように、3段階の曲線として示され、すでに、T.P.Dirkse⁷⁾によつて示された曲線とよく一致した結果を示した。

これらの曲線の各段階で電極表面のX線回折を行なつた結果を,図44および表4・1に 示す。第1の領域ではAg₂ O のみの生成がみられ他の酸化物は確認されなかった。Ag₂ O の生成量は充電電流の低い程大であり,充電電流の低い場合には電磁表面に厚いAg₂ O 被膜が生成することがわかる。放電時間と電極電位との関係曲線で電極電位が第1の領域 より第2の間域へ転移する部分で、必ず電位の極大が観察され、X線回折の結果はその後においてはじめて Ag()が生成することを示す。この場合・充電電流が高い程 Ag2()



容量(mA·hr)

()内の数字は表 4-1 に示された X線回折の番号と対応するものである。

- (a) 10mAで充電
 (b) 1mAで充電

 (c) 0.1mAで充電
- 図 4・3 30°C,4-5規定カセイカリ溶液中での銀電廠の定 電流充電曲線

の Ag() への転位が容易であり,X線回折の結果は充電電流の高い場合には,第2の領 域において Ag₂() の回折線が減少していく速さが大であることを示す。しかし,充電 の最後の段階である第3の領域に達して後も,電極表面で Ag が観察され,未変化のAg が電極表面になお存在することを示す。

最後の第3の領域においては,酸素の発生が観察され,ガス分析の結果より,充電電流の大部分は酸素発生反応のために使用されていることがわかつた。しかし,一部はAg₂O



(a) 充電時の2の領域における電極面のX線回折像

(b) 充電時の3の領域における電極面のX線回析像

図 4・4 定電流充電時(30°C,4-5規定カセイカリ溶液中で全電流
 0.1mAで充電)における電極表面のX線回折像の代表例

分散スリツト:2 號 ,検出スリツト:0.2號,電圧:3.45V
 電流:15mA,対陰極:飼,フイルター:ニツケル,時常数:2 sec
 GM管走査速度:1度/min

の酸化反応に使用されており、 AgO のX線回折像はこの領域でも段々と強く現われる ようになる。そうして、 Ag₂Oの回折線は段々と减少し、最後には消失してしまう。と くに、この段階で長時間充電を行なうと、今度は AgO の回折像の高さが低く、しかも 拡散した AgO のX線回折像を与えるようになり、 AgO の結晶構造が大変歪んだ状

-107-

表 4-1 (A) 0-1mA充電時のX線回析強度の変化

簡域	物質名	Ag		Ag ₂ O	AgO				
	28(度)	37.9	44.1	32.5	32-0	32.1	34.0	37.0	39-2
	1	200 以上	200 以上	-	-	-	-	-	-
	2	11	11	9	-	-		-	-
1211	3	"	"	14	-	-	-	-	-
1	4	"	"	30	-	-	-	-	-
	5	"	"	53		-		-	-
	6	"	"	150	-	-	-	-	-
2	7	"	136	200	-	=	-	-	-
	8	135	64	"	10	21	5	14	4
	9	122	57	195	16	35	10	20	8
	10	107	48	"	31	37	15	27	10
3	11	51	44	30	不明	166	62	115	45
	12	45	40		"	185	82	142	48

表中の番号は図 4・3に対応するものであり、表中の数字は カウント/ sec 単位で示したX線強度である。

表 4・1 (B) 1mA充電時のX線回折強度の変化

表中の番号は図 4-3に対応するものであり,表中の数字は カウント/sec 単位で示したX線強度である。

領域	物質名	Ag	Ag		20 AgO					
	2月(度)	37.9	44.1	32-5	32-0	32-1	34.0	37.0	39.2	
1	1	200 以上	200 以上	100	-	-	-	-	-	
2	2	"	"	50	32	51	17	39	14	
3	3	#	//	25	不明	105	38	58	27	

(X線回折を行なった条件は図4-4の場合と同一である。)

態になったことを示す。すなわち、充電時の第3の領域においては AgO 中にさらに過 剰の酸素が入り込み、段々とAgO の結晶がくだけていくことを示す。しかし、この段階 では AgO 以外の高級酸化物は観測することができなかった。こ、で、銀電極の充電時 に生成する Ag₂ () はAgと同様、X線回折の結果は面心立方格子であることを示した が、 AgO は Jones 6¹¹⁾ が示したような面心立方格子構造を示さず、Graff $6^{12)}$ が AgO の結晶構造として報告している単分晶系に属する結晶構造と同一のもの であつた。

第1の領域および第2の領域までの充電においては、充電に使用した電気量の殆ど全部 が放電によつて回収することができる。例えば、30°C、4.5 規定カセイカリ溶液中で 電流1mAで充電した電極では、電流1mAでの放電によつて第2の領域終了迄充電した ものでは92%、第1の領域終了迄充電したものでは100%、充電電気量を回収するこ とができた。図4.5に、第1の領域終了時の充電電位が極大を示す位置迄4.5規定カセイ カリ溶液中で30°C、電流1mA充電した電極の充電電気量に対する放電容量の割合を



30°C, 4.5規定カセイカリ溶液中で0.1mAで放電 a : 30℃,4.5規定カセイカリ溶液中で 1 mAで放電 b : 30℃,4.5規定カセイカリ溶液中で10mAで放電 c: 50℃,4-5規定カセイカリ溶液中で 1 mAで放電 d: 10℃,4.5規定カセイカリ溶液中で 1 mAで放電 e: f : 30℃,0.45規定カセイカリ 溶液中で 1 mA で放電 X 4 • 5 定電流放電曲線(充電量 20±1mA.min) -109示した。図4-5によると,自己放電が大となると予想される高温での放電の場合や低電流 で長時間放電する場合には,放電によつてとりだせる電気量が100%より約10%程度 小さくなつている。一方,高電流放電の場合も放電によつてとりだせる電気量が100% より幾分小さくなつている。しかし,この放電量の低下は放電時の高い分極によるもので、 これは放電終了後,さらに低電流で放電させることにより回復することができた。これら の結果は第1の領域迄の充電においては, Ag2 O の生成が電流効率100%で行なわ れ,他の副反応は殆ど行なわれないことを示す。

充電時の第2の領域終了迄充電した電極も,充電電気量の殆ど100%近くが放電によ つて回収できるものと思われるが,この第2の領域での充電反応も酸素過電圧を低下させ ると考えられるテルル,アンチモンなどの金属を少量銀中に添加してやると, AgO 生 成のための電硫効率は書しく低下し,第2の領域でも酸素の発生が確認され,X線回折の 結果は充電時における第2の領域においても少量しか Ag() が生成しないことを示した。

次に,定電流充電時の電極表面における変化をさらに詳細に認識する目的で,銀電極の 定電流充電時の電極の表面状態の変化を電子 面徴鏡によつて観察した。この結果を写真4・1 に示す。また,写真4・1の各写真は,図4・6に示された,定電流充電時の放電時間と放電 電流の関係線図上の各段階に対応する位置まで充電された電極での表面を示している。

これらの写真を眺めると、銀電極の充電反応においては、まず、電極面より O^{2^-} が電極 内部に拡散していき、そのために、電極面は膨脹し、直径約1 μ の球状の Ag_2 () 粒子 が電極面を覆うようになる。さらに、充電を続けると、電極全面がこの球状の Ag_2 O 粒 子で覆われ、さらに酸化を続けることが困難となり、そのため定電流充電時の第1の領域 の電位が極大を示す状態に達する。この状態を過ぎ、電位が殆ど変化しない第2の領域に 達すると、球状の Ag_2 O 結晶粒は崩壊し、写真4.1(c) にみられるように、電極表面に 新しい結晶である AgO が観察されるようになる。充電の進行とともに生成するAgOは写真 4-1(b)にみられるようにこの AgO を中心として発達し、電極全面を覆うように なる。さらに充電時の第3の領域に電位が達して後も充電を続けると、AgO 粒子はさ らに O^{2^-} を吸収して大きい結晶に成長していく。

写真 4・2 に図 4・6 に示したような定電 施充電を行なつた場合の充電時の各段階に対する 電極裏面の写真を示した。これらの写真を眺めると,充電の進行とともに,電極表面の Ag2 O および AgO 粒子は段々と大きくなつていくが,電磁裏面でも,この現象が 観察され,充電時の第3の領域に入つた後は写真 4・2 (a') に示されているように,電



図 4・6 30℃,4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで充電した場合の充電時間と電磁電位との関係

極裏面は完全に AgO になっているように思われ、もはや電極内部迄、充電が進行し難 い状態になっていることが観察される。写真 4-1(j)は写真 4-1(a)の表面状態を示す電極の 断面を電子 郵微鏡で観察した写真である。この写真にみられるように、 AgO は充電時 においては数層にわたつて成長していくことがわかる。また、図 4-6 に示した充電時の各 段階での電極断面を今属顕微鏡で観察した結果を写真 4-3 に示した。 Ag₂O のみが生成 する充電時の第1 簡域終了時まで充電した場合の酸化物被膜の厚さは約 1-5 μ であったが、 充電時の第2の領域終了時まで充電した場合の酸化物被膜の厚さは約 8 μ であった。また 写真 4-2 (a') および (c') は写真 4-2 (d') および (e') とは大変ことなった状態を示 し、Ag₂O 生成反応のみの行なわれる段階では、さらに酸化を行なうことが可能である ことを示す。これらの結果より、充電反応においては酸化物層は段々と厚くなっていくこ とがわかった。

写真 4・4 に,充電反応の研究に使用した出発電極である銀電極の表面を示した。数回充 放電をくり返した後の(a電極は,銀メツキ後の(b)電極よりも滑らかで,見掛け上の表面積 は小さく観察される。しかし,(a)電極は(b)電極に比べて,ともに30°C,4.5規定カセ イカリ溶液中で電流1mAで,充電時の第2の領域まで充電を行なう場合,約5倍量の酸 化を行なうことができる。すなわち,銀電極の充電反応においては,銀電極の表面構造よ



-112-

(a)~(i) 電極表面 (j) 電極断面

写真 4・1 図4・6 に 示された充電時の各段階に対する電極表面

および電極断面の電子顕微鏡写真



-114-



りも内部構造の方が 重要であり,銀中へ ()²⁻ が電解液中よ り拡散しやすいよう な線電極を作裂する ことが重要であるこ とがわかつた。

写真(a), (b)および(c)は図 4-6(a), (c)および(g)の各段階に相当する

写真 4・3 図 4・6 に示された充電時の各段階に対する 電極断面の金属顕微鏡写真

2. 酸化銀 生成領域における充電過電圧

課電極充電時の第1の領域においては、Ag2()のみが定量的に生成し、その膜厚は
時間とともに増大する。この領域での定電流充電時の充電時間と電極電位との関係は図4-3
のように指数函数的に充電時間の増大につれて急激に増大し、充電電流が増大するととも
に、充電時の第1の領域において生成するAg2()の量は減少する。これは、充電の進
行とともに酸化物被膜中での電子およびイオンの拡散抵抗が増大し、そのために、分極抵
抗が大となつたためだろうと思われる。充電時の第1の領域における、充電時の電位の成
長および開路時の電位の崩壊をブラウン管オツシロスコープを使用して測定した結果を図
4-7に示した。図4-7によると、充電の進行とともに、過電圧(充電電位と平衡電位の差)



- (a) 充放電を繰り返し・充電容量が大となつた
 場合の銀電極表面
- (b) 白令板に銀メッキした後(何の処理も行な わない前)の銀電極表面
- 写真 4・4 充電反応に使用した銀電磁表 面の電子顕微鏡写真

は著しく増大する。充電時および開路 時の電位変化は小さい速い変化とそれ に続く大きい遅い変化からなる。前者 は多分酸化物層中でのオーム抵抗に起 因するものと思われるが、全過電圧に 比べると極めて小さいものであった。 開路時の電位の遅い変化は図4-7に示 されているように,約1 sec 以内に 回復する部分とさらにゆつくりとAg/ Ag,O の平衡電位迄回復していく部 分よりなる。後者は Ag/Ag, U 平 衡電位に回復する迄に2~3hr 以上 の時間を要する。このゆつくりとした 変化は充電電流の大きさよりもむしろ 充電量によつて要しく影響を受ける。 充電後開路にし、Ag/Ag2 O 平衡 電位迄回復しない電極を僅かに放電し、 これを開路にすると電位は図4-8に示 されたように回復する。すなわち、開 路後の電位は徐々に正の方向に回復し、 その後徐々に Ag/Ag2 O 平衡電 位へと負の方向に変化していく。充電 後開路にし、 Ag/Ag20 平衡電位 迄回復した電極を放電した場合には、

放電後の開略時にはこのような電位の極大は現われない。これらの現象は次のように説明 されるかもわからない。充電時においては $Ag_2 O$ 層中で O^{2-} と Ag^+ との分布が均 ーではなく、 $Ag_2 O$ での O^{2-} あるいは Ag^+ の拡散速度が小さいため、電極の表面 では O^{2-} が大であり、電極の内部では Ag^+ が大となつているものと思われる。開路後 数時間後においてもこの状態が維持され、また、このようなイオン分布の不均一性は図 4.8に示されているように、放電初期においては消失しないものと思われる。



(a)~(e): 閉路時の電位の成長 (a)'~(e)': 開路時の電位の回復
 図中の(a), (b), (c)および(d)は図 4-6 (h), (g), (f)および(e)に相当する
 (a), (b), (c)および(d)は図 4-6 (h), (g), (f)および(e)に相当する

図 4・7 30℃, 4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで銀電極を充電し た場合の第1の領域における開路時および開路時の電位変化 (オツシロスコープによる速い変化の追跡)



図 4・8 30°C, 4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで銀電極 を充電した場合の第1の領域における閉路時および開路時の 電位変化(自記電位差計による遅い変化の追跡)

充電後開路時の電位が Ag/Ag₂ () 平衡電位迄回復しない状態で再び充電を行なう と, どく低電流での充電においても・充電電位はその上に重なつて現われ,全体として大 きい過電圧を示す。

約1 sec 程度で回復する過電圧は、充電時間および電流密度の増大とともに増大し, 回復時間と回復電位の変化の対数との間には直線関係が成立し,コンデンサーの放電時に 示される電位変化と類似する。すなわち,この電位変化は電極界面に現われる電気二重層 と何らかの関係があることを示す。充電反応においては(4・1)式に示す反応が先行反応 として起らなければならない。

 OH^- こ O^{2-} + H⁺ ……… (4-1) それ故 O^{2-} (電極表面) $-OH^-$ (電極・電解液界面)電気二重層が Ag_2O 表面に 現われる。電極表面に蓄積した O^{2-} は電極内部への O^{2-} の拡散によって除去される。 それ故 , この電気二重層容量は充電電流の増大および Ag_2O 被膜の増大によって大と なることが予想され , この事実は実験結果とよく一致する。 3. 過酸化銀 生成領域における充電過電圧

充電時の電位が第1の間域より,第2の領域へ変化するときには図4-9に示されている ように,必ず電位の極大が現われ,しかも,この変化は大変ゆつくりとした変化として観



 図 4・9 銀電極を定電流充電した場合の,第1の領域より
 第2の領域への過渡現象(30°C,4-5 規定カセイカ リ溶液中で1mAで充電した場合)

察される。充電の進行とともに、 Ag_2O 被膜の厚さが大となり、従つて、 Ag_2O 結晶中を通しての $O^{2^{-1}}$ の拡散抵抗が大となり分極が非常に増大する。そのために、 Ag_2O の生成電位が充電の進行とともに著しく正の方向に移動し、ついに Ag()の生成電位にまで達する。従つて、図 4-9 に示されたように電位が極大を示す位置まで上昇すると、Ag

より Ag^+ への酸化ど同時に Ag^+ より Ag^{2+} への酸化が一方では起るようになる。 Ag() 被膜中での O^{2-} の拡散抵抗の方が Ag_2O 被膜中での O^{2-} の拡散抵抗より も小さいので,その結果, Ag() の生成とともに電位は徐々に降下していくものと思わ れる。その結果として電位の極大が現われるわけである。そのために,図4・10(a)に示さ れているように,充電電流が大であつても,この極大電位は高くならず,極大電位は充電 電流,充電量には関係なく,殆ど一定の値を示す。さらに,充電時の電位が第2の領域を 示す状態に達すると,充電電流を急に変えた場合,図4・10(b)および図4・11に示されて いるように,電位の極大および極小現象が現われる。これは, Ag() 被膜の下に存在す る Ag_2O 被膜の厚さが第2の領域における充電電位に対して著しい影響を示すことを 物語るものである。すなわち,充電電流が高い場合は Ag_2O の被膜の厚さは薄く,低 い場合は厚くなつているものと予想できる。図4・12および図4・13(a)は充電時の第2の 領域における充電時の分極の成長および開路時の分極の崩壊を示す。この場合は約1sec 以内で回復するゆつくりとした変化が過電圧の大部分を占める。特に, Ag_2O の生成



図 4・10 銀電極を定電流充電した場合の,第1の領域より
 第2の領域への過渡現象(30℃,4-5 規定カセイカリ
 溶液中での充電)



- (a) 10°C, 4.5規定カセイカリ溶液使用
 (b) 50°C, 4.5規定カセイカリ溶液使用
- 図 4・11 銀電極充電時の第2の領域における電位変化



(a) 閉路時の電位の成長 (b) 開路時の電位の回復

 図 4・12 30°C,4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで 銀電極を充電した場合の第2の領域における閉路時および
 開路時の電位の変化



(a)(b)および(c)1 : 30°C, 4.5 規定カセイカリ溶液使用
 (c)2 : 30°C, 0.45規定カセイカリ溶液使用

(a) 充電時の第2の領域における開路時の電位変化

(b) 充電時の第3の領域初期の段階における開路時の電位変化

(c) 充電時の第3の領域で長時間充電を行なつた後の開路時の電位変化

図 4・13 1mAで充電した場合の、第2および第3の領域に
 おける開路時の電位変化

時に見られたような、開路時に大変ゆつくりと回復する電位の変化は観察されなかつた。 しかも、充電時の第2の領域に充電電位が選して後は充電電流、充電時間にかゝわらず、 図 4・1 3(a)に示したように電極電位は開路後約1min の後、電解液中の OH⁻にのみ関 係する→定電位すなわち Ag₂ O/AgO 平衡電位に到達した。これらの現象は、AgO 中でのO²⁻の拡散は非常に容易であり、従つて、 AgO 活物質中では AgO活物質よ りも U²⁻の分布が均一となつていることを示す。また、充電時の電位が第2の領域に到 達した後の充電過電圧は、充電時の電位が第1の領域を示す部分で観察されたと同様、 AgO活物質表面での O²⁻ - OH⁻ 電気二重層によつて生ずるものと思われる。また、 充電時の電位が第2の領域に達した後は開路時の安定電位が Ag₂ O/AgO 平衡電位 を示すことは、この段階ではX線回折の結果と同様 AgO が生成されていることを証明 する。

銀電極中に不純物として鉛あるいは錫を少 量入れた場合や高電流密度で銀電極の充放電 を多数回繰り返して作製した銀電極では,充電時に生成する酸化物層中での()²⁻の拡散抵 抗が非常に小さくなつていることが予想される。このような電極を使用すると、充電時の 過電圧は著しく低下し,充電時の電位が第2の領域を示す位置においての充電では P. Jones¹¹⁰ が示した Ag₂U/AgU 平衡電位よりも僅か数mV高い電位で充電が可能 であつた。この場合には,充電電位は P.Jones¹¹⁰ が示した Ag₂U/Ag₂O₃ 平 衡電位以下であつた。この現象は,充電時の電位が第2の領域を示す位置での充電では Ag₂O₃ が中間生成物として生成しないことを示すものである。

4. 酸素発生領域における過電圧

この領域では,充電電硫の大部分は酸素の発生に使用される。しかし,一部分は AgO 生成のために使用されるが,この領域での数時間の充電(4-5規定カセイカリ溶液中で30℃ 電流1mAで充電)によつても容量は僅か20~30%増大するに過ぎない。この領域で の充電電流の対数は電極電位との間には図4・14に示したように直線関係が成立し,この 領域では Tafel 式に示される 関係が成立することを示す。この図よりα(透過係数) は1となり,この領域では過電圧は酸素発生時の活性化過電圧が大部分を占めていること を示す。テルル,アンチモンを不純物として少量(重量%で2%)加えた銀電優では、低 電流充電の場合には,異なつた勾配を示し,この場合には、他の電極とは異なつた機構に より酸素が発生するものと思われる。この電極では第4章第6節において示すように、酸 素過電圧が低いため,Ag2O の AgO への酸化が起りにくい。従って,テルル,アン チモンなどの金属は銀電極に対しては非常に懇影響を及ぼすこととなる。

充電電位がこの第3の領域に入ると、図4-1 3(D)に示されているように、開路時の電位 の降下は非常に遅くなり、しかも窒素かくはんの影響を非常に受ける。すなわち、窒素通 気によって、開路時の電位の回復は非常に促進される。この開路時のゆつくりした電位の 降下は電極面よりの酸素の脱着により起っているものと思われる。さらに、長時間充電を 行なうと、白金板に銀メツキをして作製した銀電極を使用した場合、図4-1 1(c)に示され ているように、開路時において,0.6V(酸化第二水銀電極基準)附近に電位が一定となる部 分が現われる。この電位は Jones, Thirsk¹¹⁰が示している Ag₂(0₃/AgO)の平 衡電位附近に現われる。この電位は濃度の威少とともに上昇し、電解液の温度、濃度の減



充電電流 (mA)

(a)	銀	のみ	(b)	カドミウム2 %添加	(c)	金	2%添加
(d)	鉛	2%添加	(e)	インジウム2・第添加	(f)	銅	2%添加
(g)	テルハ	- 2%添加	(h)	アンチモン2%添加			

図 4・14 3 C°C, 4.5 規定カセイカリ溶液中で第3の領域で 充電を行なつた場合の充電電流と電極電位との関係(銀中 に種々の金属を微量(重量%で2%)添加した場合の影響)

少につれて、安定電位が増大する。これらの事実は AgO よりもさらに高級な不安定な 酸化物が生成しているものと思われる。しかし、 AgO 以上の高級酸化物はX線回折に

-124-

よつては確認することができなかつた。また, 0.6 V附近に現われる一定電位は銀のみを 使用した電極では確認することができなかつた。

第4節 銀・過酸化銀系電極放電時の現象^{2),4)}

1. 銀・過酸化銀電極放電時の現象

図4-15に定電流放電時の放電時間と電極電位との関係の代表例を示した。図4-15(A) は AgO が十分生成した後放電を行なつた場合,図4-15(B)は Ag₂() 生成時におい て極大電位を示す位置まで充電した後放電を行なつた場合を示した。図4-15中の点線は 図中の各段階まで放電後,開路にし20min経過した後(この状態でほゞ電位が安定する) に示す電位を図示したものである。充電時の電位が第3の簡域に到達する迄充電した電極 (過酸化銀電極)では図4-15(A)に示したように,定電流放電曲線は2段となつたが,充 電時の電位が第1の簡域末期の優大を示す位置まで充電した電極(酸化銀電極)では図 4-15(Bのように定電流放電曲線は1段の曲線しか与えなかつた。過酸化銀電極放電時の 2段目の放電曲線は酸化銀電極の放電曲線と同一の形を示したが、開路時の電位の回復は 放電の各段階に対して両者は非常に異なつた挙動を示した。過酸化銀電極の放電時の第1 の領域に相当する放電容量は放電電流が大になると非常に減少する。放電電流を非常に高 くすると,放電時の第1の領域に相当する部分が消失し,只,1段の放電曲線しか示さな いようになる。

高電流放電においては,AgU 電極放電時の第1の領域より第2の領域に移る過程にお いて電位の極小(あるいは過電圧の極大)が現われる。しかし,このような極小電位は電 流0.1mA程度の低電流での放電あるいは放電過電圧を低くする目的で鉛を少量加えた電 極での 1mA 程度の中位の電流での放電の場合においては,このような電位の極小は 現われなかった。また,これらの場合には第1の領域での放電容量は大となり,特に,ご く低電流での放電においては第1の領域と第2の領域との容量は殆ど同一となる結果を示 した。

非常に高い電流での放電においては、開路後に到達する平衡電位は、放電の第2の領域 に入って後もその初期には Ag₂ O/AgO平衡電位を示し、僅かではあるがX線回折に よって AgO を確認することができた。





```
図 4・15 30°C, 4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで充電した

過酸化銀電極おび酸化銀電極を放電した場合の放電時間と電位との

関係
```

図 4-1 5の各放電段階に対する電極表面のX線回折の結果を表 4-2 に示した。Ag O 電 極放電時の第 1の領域においては,放電の進行とともに Ag O のX線回折像が段々と成 少し,それに代って Ag₂ O のX線回折像が増大する結果を示した。すなわち,第 1の 領域においては,放電によって Ag O は Ag₂ O に変化していくことをX線回折の結 果は示した。また,第 1 の領域の末期の状態(図 4-1 5の(4)の段階)においては電極表面

表 4・2 1mA放電時のX線回折強度の変化

領域	物質名	Ag		Ag ₂ ()	Ag O				
	28(度)	37.9	44.1	32.5	32.0	32.1	34.0	37.0	39.2
1	1	200 以上	200 以上	25	不明	105	38	58	27
•	2	"	"	95	10	15	6	12	5
	3	"	1	90	8	10	3	1 0	4
	4	"	"	60	5	8	-	5	-
	5	"	"	12	-	-	-	-	-
z	6	11	"	6	-	÷.,	-	-	IE.
	7	"	"	-	-	-	-	-	

表中の番号は図4・15に対応するものであり,表中の 数字はカウント/sec 単位で示したX線強度である。

(X線回折を行なった条件は図4-4の場合と同一である。)

に表4-2のように AgO を見いだすことができたが、放電時の第2の領域に入ると、も はやX線回折によつては AgO を確認することができなかつた。そこで、電子線回折を 試みたが、この場合も確認することができなかつた。電極表面に存在する AgO の量が 少ないためX線回折では確認できず、また、AgO は分解性であるため電子線回折によ っても確認できなかつたのかも分らない。放電時の第1の領域ではAgO が完全にAg₂() に変化する容量を示さないので、これらの理由より、活物質内部には第2の領域に入つて 後も AgO が残存していることが予想でき、従つて、AgO 、Ag₂() 、Ag の 3成分が共存する状態が考えられるものと思われる。

次に、図4・15の各放電段階に対する電極表面を電子顕微鏡で観察した。その結果を写 真4・4に示した。写真4・4(a)~(d)は過酸化銀電極の放電に対するものであり、写真4・4(e) ~(h)は酸化銀 電極の放電に対するものである。

放電過程における電極表面の変化は写真 4・1 と写真 4・4 とを比べてみて,充電過程における電極表面の変化と全く可逆的ではなかつた。これらの写真より,放電反応においては 電極表面の AgO および Ag₂O 粒子はともに,その表面より段々とO²⁻ が電解波



中に逃げていき、 AgO および Ag2O 粒子は段々と収縮し、電極面は平滑になつて

いく。



写真 4-6 図4-15に示された放電時の各段階に対する電極表面,電極 内部および電極裏面の電子涵微鏡写真

また、これらの現象は金属顕微鏡による電極断面の観察からも確認され、放電によつて、 酸化物層の厚さは段々と薄くなつていくことが観察された。放電終了時には酸化物層は消 失し、金属顕微鏡では確認することができなかつた。

,写真4.6に放電時に電極上に存在する銀酸化物裏面の電子函微鏡写真および,電極の表面層を剝離した後の表面すなわち電極内部の電子函微鏡写真を示した。放電の進行ととも に電極表面の酸化物は陰極的にAgに違元される。写真4.6(b')および(b["])に示され ているように,過酸化銀電極放電時の第2の領域の初期にはいぜんとして AgOによるか も知れない大きい結晶粒が電磁内部に残存することを示す。すなわち,この段階ではAgO Ag2O,Ag の3成分が共存することを示す。

2. 酸化銀 生成領域における放電過電圧

図4-16に、過酸化銀電極放電時の領域1における閉路時の電位の成長および開路時の



 (a)~(d): 閉路時の電位の成長 (a')~(d'): 開路時の電位の回復
 図中の (a),(b)および(c)は図4-15 (1),(2)および(3)に相当する
 (a'),(b)および(c')は図4・15(1),(2)および(3)に相当する
 (d)および(d')は図4-15の場合と同一電解液中で10mAで放電し、 第2の領域に入つた直前の状態に対するもの

図 4・16 過酸化銀電極放電時の第1の簡域における閉路時および開路時の電位変化 (オッシロスコープによる速い変化の追跡) 電位の崩壊を示した。これによると、この領域での閉路時および開路時の変化は瞬間的変 化が大部分を占め、過電圧は Ag₂() 浅膜の増大によるオーム抵抗による電位峰下が大 部分を占めていることが予想される。図4-15の(A)曲線に示されているように、定電流放 電の進行とともに、放電電流は指数函数的に減少し、 Ag₂() 被膜の厚さの増大ととも に、この膜中での抵抗が指数函数的に増大することを示す。同じ量の放電後すなわち電極 表面での Ag₂() 被膜の厚さが同一であると考えられる状態での放電電流と過電圧の関 係を図4-17に示した。この場合は8mA・min 放電後の場合であるが、放電電流と過 電圧との間には直線関係が成立し、その勾配は電解液温度の上昇、鉛などの不純物の添加 によつて減少した。



これらの現象はこの簡域では(4-2)式に示されたような反応が進行することによつて 説明できるものと思われる。



図 4・17 4-5 規定カセイカリ溶液中で過酸化銀電極を放電した場合の第1の領域 における放電電流と過電圧との関係(8mA・min放電後の状態で測定)

すなわち,(4-2)式に従って,電極表面に Ag₂O が生成し,その層を通って電子が 移動しないと反応は進行しない。放電の進行とともに,この層の厚さが増大し,電子の移 動抵抗が増大する。この抵抗は, Ag₂O が半導体的性質をもつているため,温度の上 昇あるいは不純物の添加による格子欠陥の増大によつて減少する。従って,図4-17のよ うな結果を示すものと思われる。

放電時の第1の領域において,開路にすると1min 以内に電位は回復し、Ag₂() / AgO 平衡電位に到達する。すなわち、この領域では AgOの Ag₂O への変化のみ が行なわれ、その放電時の分極は速い変化のみよりなることがわかった。しかし、第1の 領域においても、放電が進行し、第2の領域に近づいてくると、開路時の電位の回復はや はり速い変化のみしか観察されないが、開路後に到達する電位は数mVではあるが徐々に 負の方向に偏倚する結果を示した。しかも、この現象は低電流放電時において顕著に観察 された。このような現象は Ag₂() — AgO 固溶体が生成し、平衡電位は Ag₂() — Ag()固溶体とAg₂()の間の反応によつて示されるようになつたためと思われる。

3- 銀 生成領域における放電過電圧

過酸化銀電極放電時の第2の領域においては,図4-18に示されているように,放電電 位は殆ど数mVの範囲内で一定値を示した。しかし、開路時の電位の回復は放電量によつ て著しい差異を示した。同じような現象が,過酸化銀電極の一部を稀確酸に溶解させAg 表面を一部露出させた銀・過酸化銀系電極をカセイカリ溶液中に浸漬させた場合に観察さ れた。この場合,電極表面の Ag とAg()の割合を変えてやると,浸漬後の銀・過酸化 銀系電極の電極電位の変化を図4-18(3)~(7)のいずれかの形の変化にもつていくことがで きた。また,この場合,電極表面がはつきりと黒色の Ag() と銀白色の Ag の部分に 分かれていたものが浸漬とともに,全体が同一の色調(黒色に少し茶褐色が加わったよう な色調)に変化し,電風表面は均一な状態となる。図4-18の(5)および(6)の状態で開路に すると,開路後の電位は20~30hr後になっても,Ag/Ag₂() 平衡電位よりはよ り正の値を示した。Ag() 電極放電時の第2の領域においては第1の領域において観察 されたような瞬間的な変化は開路時および閉路時のおいては観察されなかった。

これらの結果より,第2の領域においては(4-3)式および(4-4)式の反応が進行しているものと思われる。



図中の(1)~(9)は図 4-1 5(1)~(9)に相当する。

図 4・18 過酸化銀電極を30°C,4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで放電した 場合の第2の領域における各放電段階に対する朝路時の電位変化

 $Ag + Ag 0 \rightleftharpoons Ag_2 0 \qquad \dots \dots (4.5)$

すなわち,放電時においては電源表面において Ag が存在し,(4・4)式に従って電位 が決定され,しかも, Ag は良好な電子伝導体であるため,放電時のオーム抵抗による 電位降下は存在しない。また,開路時の電位の変化よりは速い変化は頃募されず,酸化銀 電極放電時の活性化分極もないものと思われる。従って,放電電位は放電電流,放電量に よつては殆ど変化しないものと思われる。また,開路時の電位のゆつくりした回復は(4-5)式に起因するもので,電極表面の Ag が消費されていくことによって,電位が回復 するものと思われる。

-133-

第5節 酸化銀および過酸化銀の電解液中への溶解現象と充放電 過電圧⁴⁾

銀・過酸化銀系電極の充放電生成物である Ag2() および Ag() がカセイカリ電解 液中にかなり溶解する現象は Dirkse ら^{9,10)} によつて見つけられている。この電極 の場合も Ag2() および Ag() の電解液中への溶解が第2章で述べたカドミウム電極 の場合のように充放電反応に影響を及ぼすことが予想されるので、この点について調べて みた。

カセイカリ電解液中に Ag₂ O および Ag O を飽和した場合の定電流充放電時の電 位変化は第4章第3節および第4節において述べたが,電解液中に Ag₂ () およびAg O を含まない場合においても定電流充放電時の電位変化は第4章第3節および第4節で述べ た結果と全く同一の結果を与えた。たゞ, Ag₂ O および Ag O が電極反応とは関係 なく電解液中に溶解するため,充電量に対する放電容量の割合が僅かに減少した。

これらの結果は、カドミウム電極の放電反応とは非常に異なつた結果を示すもので、カ ドミウム電極の放電反応では放電時の中間生成物である CdO の電解液中への溶解が、 電極反応に対して重大なる影響を及ぼしたが、銀・過酸化銀系電極においては、Ag2 O Ag O の電解液中への溶解は、只単なる溶解であり、充放電反応とは関係がないことを示 した。

第6節 不純物の影響 3,4),5)

第4章第3節より第5節までの結果によると、銀・過酸化銀系電極の充電反応は電解液 中の $()^{2-}$ がAg およびAg2O 中に拡散していくことにより進行し、放電反応は AgOおよびAg2Oより O^{2-} が電解液中へ逸散することにより進行することがわ かつた。そこで、銀・過酸化銀系電極の充放電時の過電圧を減少させ、また、銀活物質の 陽極的に酸化される量を増大させるためには多くの格子欠陥をもつた銀・過酸化銀系活物 質を使用することが必要となる。

銀・過酸化銀系電極に不純物を添加した場合の電極反応に及ぼす影響は次のような形で 現われてくる。

-134-

- (1) Ag および Ag₂O の Ag₂O および Ag() への充電時に現われる過電圧の 変化。
- (2) AgOの Ag_2O への放電時に見われる過電圧の変化。
- (3) 定電流充電時に現われる第1の領域および第2の領域での充電時に陽極的に酸化されることができる活物質の量の変化。

例えば、銀電極中に2%(重量%)の始あるいは錫を加えた電極を使用した場合,図4-19に示されているように、銀のみを使用した電極に比べて,充電時に Ag₂ () および Ag() が生成する電極電位が低下し、しかも、 Ag₂ () および Ag() の生成量が著 しく増大する結果を示した。また、 Ag₂ () 生成時の放電過電圧も低下する結果を示し た。このような結果は、その影響は鉛あるいは錫を加えたものに比べると小さかつたが、 インジウムあるいはタリウムを歌中に2%(重量%)加えた場合にも観察された。

しかしながら,銀電極中に2%(11量%)の金を加えた電極を使用した場合,図4-19 に示したように,Ag₂ U 生成時の充電電位は銀のみを使用した電極に比べて,著しく高 くなる結果を示した。しかし,この場合も,銀のみを使用した電極に比べて,AgO 生 成時の充電電位は低下し,多くの量の Ag が酸化される結果を示した。しかも,この場 合には充電時の電位が第1の領域より第2の領域に移るときに現われる電位の極大が減少

						イオン半径
Ag	Ag	+ 1 - 344	Ag_2^IO	+ 0-57	AgU	1-26(+1)
РЬ	Ръ	- 0-54	₽₿О	+0-28	PbO	1:84(+4)
Sn	Sn	-0-91	HSH03	- 0 - 90	$S_n^{(V)}(OH)_6^{2^-}$	1:02(+2) 0:71(+4)
Cd	Cd	-0-809	Cd ^I (OH) 2		0-97(+2)
ľ n	In	-1-0	In ^{II} (OH) 3	-	0-81(+3)
Τl	TI	>	TIOH	- 0 -05	TI [∎] (OH)	0-95(+3)
Cu	Cu	- 0- <u>358</u>	$C_{u_2}^{I}O$	- 0 - 08	Cu ^I (OH)	0.96(+1)
Au	Au	+0-7_	H Au O3			1.37(+1)
Te	Te	-0-57	T_e^{N} U3	$> \pm 0.4$	$Te_{1}^{V_{1}} \mathcal{O}_{4}^{-}$	0.56(+6)
Bi	Bi		Bi ² O ₃	+ 0 - 56	B1204	
Sb	Sb	+ 0-212	SbO ⁺	+0.581	Sb2 ^V O5 ^(酸溶) 液中)	0:96(+3)

表 4・3 銀中に加えた添加不純物金属の酸化時の 標準単極電位とイオン半径



a: 銀のみの電極使用

b: 銀に金を2%(重量%)添加した電極を使用

c: 銀に鉛あるいは錫を2%(重量%)添加した電極を使用

図 4・19 30℃, 4.5規定カセイカリ溶液中で銀・過酸化銀系 電極を1mAで充放電した場合の充放電時間と電位との関係

(不純物の影響)

する結果を示した。銀電極中に鋼を2%(重量%)加えた電極でも,Ag₂O 生成時の充 電過電圧が高くなる以外は銀電極中に金を加えた電極を使用した場合と同様の結果を示し た。銀電極中に銅を加えた電極では Ag₂O 生成時の充電過電圧も銀のみを使用した電 極に比べて低下した。

-136-
これらの現象は次のように説明されることができるかもわからない。

+ 2+ Ag あるいは Ag よりも高原子価のイオンをP型半導体である Ag2 () あるいは AgO中に加えると、原子価制御の原理によつて Ag2() あるいは Ag() 中の格子欠 蹈が増大する。 従つて, Ag あるいは Ag2 O は Ag2 O あるいは Ag() に酸化さ れ易くなる。すなわち、電極表面の $Ag_2()$ あるいは AgO 層中での Ag^+ , Ag^{2+} および O²⁻の拡散抵抗が著しく減少する。また、銀酸化物である Ag₂ O およびAgO が生成する電位領域においては,表4・3に示されているように Ag2 O が生成するよう な電位においては鉛および錫は4価で存在していると考えられ、インジウムおよびタリウ ムは3価で存在していると考えられる。それ故,鉛,錫,インジウム,およびタリウムを 銀電極中に添加した電極を使用した場合には、充放電反応によつてそれらの電極表面に生 成する Ag_2 い および Ag い 中での Ag^+ , Ag^+ および い の拡散抵抗が感 少し,充放電反応を受け易くなつたために,先に示したような結果を示したのである。-方,銀電極中に金を添加した電極では,金は Ag2()および Ag() 層中に金属の状態 で混入していると考えられ、そのため、 Ag2 O および AgO 層中での格子欠陥を成 少させる作用をする。従つて,Ag,O 生成時の充電電位を増大させる結果を示したの かもわからない。しかし、銀中に会を添加した場合には図4-19に示してあるように、 Ag()の生成は非常に容易である。これは,充電時の第1の領域より,第2の領域へ移る ときに現われる極大電位が低い事実と併せ考えて、 Ag2 O 結晶の AgO 結晶への分 解速度が金の添加によつて,増大したためかもわからない。また,銅を銀中に添加した場 合も同じような理由から Ag O 生成時の充電電位が低下し、Ag O の生成量も増大し たものと思われる。

図4-20は銀電極中にアンチモンあるいはテルルを2%(軍量%)加えた電極を定電流 で充放電した場合の時間と充放電電位との関係を示した。

テルルおよびアンチモンを銀電優中に加えるととによつて,充電時の第2の領域で酸化 される活物質の量は非常に減少する。また, Ag を AgO に陽極酸化する電流効率も 著しく悪くなる。この場合は,充電時の第2の領域においてすでに酸素の発生が観察され る。また,図4・21に示されているように,充電時の第2の領域において開路にした場合, 開路時の電位は Ag₂O/ AgO 電位に静止せず,さらに低い電位へと降下していく。 また,この電極の使用では,充電時の第2,第3の領域まで充電を行なつても, AgO はX線回折によつては殆ど見出すことができなかつた。このような現象は,銀電極中ヘテ



a: 銀にアンチモンを2%(重量%)添加した電極を使用 b: 銀に テルル を2%(重量%)添加した電極を使用

図 4・20 30°C,4.5規定カセイカリ溶液中で銀・過酸化銀系 電極を1mAで充放電した場合の充放電時間と電位との関係

(不純物の影響)



١

→ 時 間

a: 銀のみの電極使用
 b: 銀にテルルを2%(重量%)添加した電極使用
 1: 20min充電後
 2: 5min充電後
 3: 17min充電後
 3: 8min充電後
 4: 3min充電後
 (充電後の時間はいずれも充電時の第2の領域に入つて後の時間を示す)

 図 4・21 充電時の第2の領域における,開路時の電位の回復 (30°C,4.5規定カセイカリ溶液中で1mAで充電し た場合)

ルル,アンチモンを添加することにより,図4-14に示されているように酸素過電圧が低 下し,そのために,充電時の第2の領域において AgO の生成が殆どおこなわれないこ

-139-

とおよび AgO が生成しても、これは、直ちにアンチモンおよびテルルの作用によつて Ag, O と酸素に分解してしまうために生じたものと思われる。

第7節結言^{1),2),3),4)}

本章においては、過酸化銀・亜鉛系電池の正極活物質である銀・過酸化銀系電極の充放 電機構を電極表面および内部の電子顕微鏡観察および電極表面のX線回折を行なうことに より追跡し,さらに、充放電時の電位変化、充放電時および開路時の過渡現象および添加 不純物の充放電過電圧に及ぼす影響を目記電位差計およびブラウン管オツシロスコープを 使用して測定することによつて追跡した結果について説明した。本研究に使用した銀・過 酸化銀系電極は白金板に銀メツキしたものを陽極酸化、還元を繰り返して活性化したもの で極めて再現性の良いものであつた。また、不純物の影響を調べるためには、純銀中に不 純物元素を加え、溶融し、低温で圧延して後 徐冷 して 作製した級板を陽極酸化、還元を 繰り返して活性化したものを使用した。

カセイカリ溶液中での銀電極の充電反応においてはその定電流充電曲線は3段階の曲線 を示した。第1の領域では Ag 中に O^{2^-} が拡散していき,電極表面は膨脹し,電極面 は直径約1 μ の球状の Ag₂ O 粒子で覆われるようになる。この領域ではAg はAg₂ O に変化する反応のみしか起らず,電流効率は100%を示した。充電が進行すると,電優 面は段々と厚い Ag₂ O の膜で覆われるようになる。この Ag₂ O はその中でのAg⁺ および O²⁻の拡散抵抗が非常に大であり,そのために充電時に大きい分極を示す。しか も、開路時においては, Ag₂ O 中でイオンの分布が不均一の状態で凍結現象がおこる ため,開路時において Ag / Ag₂ O 平衡電位迄電位が回復するためには10hr 以上 を要する場合すらある。この分極抵抗は,充電の進行につれて Ag₂ O の被膜が厚くな るため,充電の進行とともに指数函数的に増大する。従って,Ag が Ag₂ O に変化す る量は限られたものとなり,充電時に Ag が Ag₂ O に変化する反応のみしか起らな いならば,電池活物質としては不適当である。ところが, Ag⁺は充電電位が Ag₂ O/ Ag O 平衡電位以上となると Ag²⁺ に酸化することができる。そのため,充電時の第 1の領域で Ag₂ O の膜厚が大となり,充電電位が急昇し, Ag₂ O /AgO 平衡 電位に達すると, Ag₂ O は Ag O に変化し,次の反応に入ることができる。Ag O

-140-

は $Ag_2 O$ とは異なつた結晶形をもつており, AgO の生成時には、結晶核生成のた めに高い過電圧が必要であり,電位が第1の領域から第2の領域に移るとき必ず電位の極 大が現われる。第2の領域では $Ag_2 O$ は AgO に変化し, AgO 以上の酸化物は 中間生成物としても最終生成物としても生成しない。 AgO 中での Ag^+ , Ag^{2+} , O^{2-} の拡散抵抗は著しく小さく, $Ag_2 O$ の AgO への酸化は小さい分極で起り,開路時 の電位の変化は数min 以内の変化ですべて $Ag_2 O / AgO$ 平衡電位に達する。 AgO中での充電時の分極が小さいため, Ag は十分に AgU に酸化することができ,電池活 物質として利用できるわけである。また、この部分での分極は AgO 層の下に存在する $Ag_2 O$ 層とも関係することがわかつた。第3の領域では大部分酸素の発生のみが起り, この領域は電流と電位の間に Tafel の関係式に示される関係が成立し,酸素発生時の 活性化分極がこの領域での過電圧を支配していることがわかつた。この領域では電極全面 が AgO 結晶で覆われ、この AgO は余分の O^{2-} を電極面に吸着し、AgO 結晶 は膨脹し非常に歪んだものとなる。また、この領域では非常に不安定なしかもAgOより も高級な銀酸化物が生成している可能性もあることかわかつた。

カセイカリ溶液中での過酸化銀電極および酸化銀電極の放電反応においては、電極面よ り電解液中へ O²⁻が逸散する。そのため,電極面は放電の進行とともに収縮し,段々と 平滑になつていく。過酸化銀電極の放電反応においてはその定電流放電曲線は2段階の曲 線を示し、酸化銀電極の定電流放電曲線はた、1段の変化のみを示した。酸化銀電極の放 電電位および過酸化銀電極放電時の第2の領域における放電電位は放電中その変動は数mV 以下であり、非常に安定な一定電位を示す。また、放電電流の変動によつても放電電位は 殆ど影響を受けず,優れた放電特性を示した。過酸化銀電極放電時の第1の領域において は AgO は定量的に Ag2 O に変化する。放電過電圧の大部分は Ag2 O 中でのオ - ム抵抗によるものであり、開路時の電位は1 min 以内に Ag2 () /Ag() 平衡 電位に回復した。また、この領域では放電電流と電極電位との間には直線関係が成立した。 この領域では、放電電位は指数函数的に降下し、高電流放電では第2の領域へ放電電位が 降下して後も AgOが確認された。また、この場合には電位が第1の領域より第2の領 域へ移る時に電位の極小が僅かではあるが現われた。これは放電時 Ag O が Ag, O に 変化し、この電位が Ag /Ag, O 平衡電位以下となると Ag が生成するために起 つたものである。放電時生成した Ag は優れた電子伝導体であるため、これ以上、オー ム抵抗による電位峰下が大とならず,従つて Ag 生成後は放電は一定電位で進行する。

-141-

第2の領域に入って後は Ag₂O は Ag に変化するが、その開略時の電位の回復は非常 にゆつくりとした変化のみしか観察されず、しかも、開路時に到達する電位は、放電量に よって非常に異なったものであった。これらの事実より、放電時の第2の領域では二次的 な反応として(4・6)式に示された反応が起っていることがわかった。

 $Ag + Ag() ~~ Ag_2()$ ………(4-6) 銀・過酸化銀系電極の充放電時に生成する $Ag_2()$ および Ag() はカセイカリ電解 液に溶解するが、これは単なる溶解であり、充放電反応とは関係がないことがわかつた。

以上の結果より,銀・過酸化銀系電極の充放電反応では充放電生成物である Ag , Ag₂O および AgO 中での Ag⁺, Ag²⁺, O²⁻ の拡散過程が律速段階になつて いることがわかつた。従つて、充放電の過電圧を低下し,利用率を向上させるためには, Ag, Ag₂O, AgO 中での格子欠陥を多く作製してやればよい。そのためには,過酷 な条件で充放電を繰り返してやればよい。また, Ag⁺, Ag²⁺ よりも高原子価のイオ ンを不純物として活物質中に少量添加してやると,半導体の原子価制御の理論によりAg Ag₂O および AgO 中での格子欠陥を増大させることができる。従つて,有効な添加物として 充電時4価で存在すると考えられる鉛および錫をあげることができ,実験結果からもこの 事実が立証された。また,会および銅は Ag₂O の AgO への変化速度を促進するた め有効な添加物としての作用を示した。一方,充電時に酸素過電圧を低下させる作用をす るテルルおよびアンチモンを銀・過酸化銀系電極に少量添加した場合は AgO の生成反 応が著しく阻害された。すなわち、テルルおよびアンチモンは銀・過酸化銀系活物質に対 する非常に有害な添加物であることがわかつた。

文 献

- 吉沢四郎,竹原善一郎,昭和34年4月
 電気化学会第26回大会(東京)にて発表。
- 吉沢四郎,竹原善一郎,昭和34年11月 日本化学会主催電気化学討論会(名古屋)にて発表。
- 吉沢四郎,竹原善一郎,昭和35年4月
 電気化学会第27回大会(宝塚)にて発表。
- 4) 吉沢四郎,竹原善一郎,昭和35年10月

-142-

アメリカ合衆国電気化学会大会(テキサス州・ヒユーストン)にて発表。 Extended Abstracts of Battery Division of Electrochem. Soc. (Houston Meeting) 88 (1960年10月)

- 5) 吉沢四郎,竹原善一郎,特許出願中(1961年11月公告決定)(昭和35年 特許願第24369号)
- P. L. Howard and F. Sulomon, Proceedings 13th Annual Power Sources Conterence, 92 (1959)
- T. P. Dirkse, J. Electrochem. Soc., <u>106</u>, 88, 920 (1959), <u>107</u> 859 (1960)
- C. P. Wales and J. Burbank, J. Electrochem. Soc., <u>106</u>, 385 (1959), <u>108</u>, 395 (1961)
- 9) T. P. Dirkse and F. D. Haan, J. Electrochem. Soc., 105, 311 (1958)
- Γ. Ρ. DITESE and B. WIERS, J. Electrochem. Soc., <u>106</u>, 284 (1959)
- P. Jones and H.R. Thirsk, Trans. Farad. Soc., 52, 1003 (1956)
- W. S. Graff and H. H. Stadelmaier, J. Electrochem. Soc., <u>105</u>, 446 (1958)

本研究の総括および結論

性能のよい電池を製作するためには,電池の生命とも云うべき正負両極活物電として, 目的の冬件にもつとも適した活物質を選ばなければならない。そのためには,それら正負 両極活物質 • 充放電機構を正確に把握し,これをもとにして,電池活物質 • 充放電機構は また,よりよい電池活物質を探索しなければならない。ところが,電池活物質 • 充放電機構は 現在までのところ,十分認識されているとは云い難い状態であり,その研究方法ですら, 統一した方法のない状態である。そこで,本研究では電池活物質の充放電機構を追跡する 一般的な方法を探索した。さらに,電池活物質の代表例として,-ッケル・カドミウム式 アルカリ 書電池のカドミウム電極,酸化第二水銀・亜鉛乾電池の酸化第二水銀電極および 過酸化銀・亜鉛系電池の銀・過酸化銀系電極を選び,これらの方法を適用した。これらの 結果について本論文では詳細な説明を行なつた。以下,それらの結果を絶活すると次のよ うである。

第1章においては,著者の行なつた研究に基いて,電池活物質の充敗電機構を追跡する 一般的な方法について述べた。とくに,電池反応は一般の電解反応とはことなり,反応の 舞台が電極目身にあることを強調した。すなわち,電極内部において。水溶液電解時にお ける電極・電解液界面および電解液本体で機容される反応が起つているわけである。それ 故,水溶液電解の際に考えられる理論的大系をそのま、固体電極 9 反応に導入すること が可能であり,この観点に立つて,研究方法の考察を行なつた。この観点に立つと,研究 方法としては,普通の水溶液電優において採用している方法がそのま、適用できるわけで, 充放電時における電位と電流の変化の追跡が充放電機構を把握する上に重要な役割をする ことがわかった。本研究では,理論的な取り扱いが楽であるという点より,定電流下で電 位の変化を追跡する手段を採用した。すなわち,充放電時の電流と電位の関係,開路時の 電位変化,開路時の電位変化および充放電時間と電位の変化をブラウン管オツシロスコー ブおよび自記電位差計で追跡し,その電極 9 反応機構を優構論的に調べた。また,平衡 電位の種々の条件における変化を追跡し,その電像の反応機構を平衡論的に調べた。これ らの結果に基いて,さらに,理論的な考察を加えた。電位の御定においては,自己放電な どの目的の反応以外の反応が加わつたり,電流分布,温度分布などが不均一であると,非

-144-

常な障害があることを述べ、これらの点に注意する必要があることを述べた。さらに、液 体とちがい、固体中での反応である点、再現性のよい、しかも、電磁反応のみが単独に調 べらるような電極を選ぶべきであることを強調し、この目的に適う電優としてメツキ法に よつて作製し、その表面を僅かに陽極酸化することにより活性化した電極がもつとも好ま しいことを述べた。電池反応では反応する場所が固相内であるため、充放電時の電優表面 および内部の変化を、顕微鏡観察、電子顕微鏡観察、X線回折、電子線回折および化学分 析などの手段により、直接観察することが可能であり、これらの結果を用いて反応機構を 創面より追跡することができる。しかし、これらの方法は十分な忠実度と再現性を得ると いう点で実験技術上の多くの困難な点が存在する。 燻々の難点を指橋し、これに基いて、 忠実度、再現性のよい測定法を考案し、その方法についても述べた。

第2章においては、第1章で述べた方法をニツケル・カドミウム式アルカリ蓄電池の負 極活物質であるカドミウム電極に適用した結果について述べた。電子頻微鏡およびX線回 折により、各種条件のもとで、カドミウム電極放電時の表面状態の変化を観察した結果は、 Cd は放電によって、 Cd (OH)2 に変化するが、その際、その反応の途中にカセイカ り電解液に可溶性の中間牛成物が牛成することを示した。この中間牛成物は電子線回折の 結果, CdU であることがわかつた。さらに、カドミウム電極の平衡電位の御定より、 Cd() は CHCd()2) の形で化学的に電解液中に溶解し、この CHCd()2) が電解液 中の H⁺ と反応して、電極面に Cd(OH)2 を析出して、反応が進行していくことを 示した。さらに、分極時および開路時の電位変化および放電電流と過電圧の関係を理論的 に求め、これと実御値とを比較した結果は、カドミウム電荷放電時の過電圧は電極界面で の $(HCdO_2)^-$ の活量の変化による平衡電位の変化と Cd() 層中での Cd^{2+} の拡散 抵抗によつて生ずることを示した。電解液中に 〔HCdO2〕 を含まない場合は前者が, 電解液が 〔HCdU2〕 で飽和されている場合は後者が主に過電圧の原因となる。実用電 他では電解液は常に [HCdU2] で飽和された状態にあり,放電時生成する中間生成物 である CdO 層中での Cd²⁺の拡散のおくれが放電過電圧の主原因になつていること がわかつた。従つて、性能のよい活物質を作製するためには、この GdO 層中でのCd²⁺ の拡散抵抗によつて生ずる過電圧を減少させる必要があることを指摘した。

第3章においては,第1章で述べた方法を酸化第二水銀・亜鉛乾電池の正極活物質であ る酸化第二水銀電極に適用した結果について述べた。酸化第二水銀電極の放電時の過電圧 は電解液であるカセイカリ溶液の濃度によつては影響されず,電解液の温度,放電電流密

-145-

度および添加不純物によってのみ変化することを示した。この過電圧は放電時に中間生成 物として $Hg_2()$ (あるいは HgOH) が生成し,これの崩壊の遅れが放電時の過電圧 の原因であるとして求めた理論式を満足した。すなわち,酸化第二水銀電極の放電時には, まず酸化第二水銀結晶中の2価の水銀イオンの一部が1価の水銀イオンに変化し,1価お よび2価水銀イオンを含む酸化物あるいは水酸化物の固溶体を生成する。このものは非常 に不安定であり,直ちに不均一化反応によって崩壊し,酸化第二水銀と水銀に変化し,水 銀を別の相に分離して反応が進行する。放電生成物である水銀は電子伝導体であり,オー ム抵抗による電位降下の原因とはならない。また,放電反応の律速段階は中間生成物であ る $Hg_2()$ あるいは HgOH の不均一化反応による分解反応であり,この反応に関係 ある反応速度恒数 K2 の Arthenius の常数は電解液中の OH の濃度には関 係なく約5.4 Kcal/mol であることを示した。

酸化第二水銀電極に、各種の不純物を添加すると、放電時に生成する中間生成物の分解 反応に影響が現われることがわかつた。金および銀はこの反応を僅かに促進し、亜鉛、鉛、 タリウム、インジウムおよびカドミウムはこの反応速度を著しく促進する作用をもち、放 電過電圧を減少させる作用があることがわかつた。とくに、インジウムおよびカドミウム はその作用が非常に大きいことがわかつた。ところが、亜鉛、鉛、タリウム、インジウム およびカドミウムは自らはイオン化して酸化第二水銀放電時の中間生成物生成反応を自然 に進行させる作用をもつ。従って、酸化第二水銀の自己放電を非常に促進する作用を示し、 酸化第二水銀活物質に対しては有害な不純物となるわけである。とくに、カドミウムおよ びインジウムは電極中にごく酸量含まれても自己放電は非常に促進されることがわかつた。 一方、金および銀は酸化第二水銀放電時の中間生成物生成反応を抑制するため、自己放電 を防止し、しかも中間生成物の崩壊反応を僅かに促進させる作用を示すので放電過電圧を 僅かに低下させることができ酸化第二水銀活物質の性能向上に対して有効な添加物である ことがわかつた。

第4章においては、第1章で述べた方法を過酸化銀・亜鉛系電池の正極活物質である銀・ 過酸化銀系電極に適用した結果について述べた。銀電極の充電反応においては Ag は Ag₂O を経て AgO に定量的に酸化される。その場合の定電流充電曲線は3段階の曲 線を示し、第1の領域では Ag は Ag₂O に第2の領域では Ag₂O は AgO に酸化される。第3の領域では電流は主に酸素の発生に使用され、電流と電位の関係は酸 素発生時の Tafel 式に示される関係をよく満足した。銀電極充電時の過電圧は Ag₂O

-146-

AgO 被膜中での Ag^+ , Ag^{2+} , O^{2-} のイオン拡散が困難であることに原因し, とくに, Ag_2 O中ではこれらイオンの拡散は困難であり,開路時においては Ag_2 O中での イオンの分布が不均一のま、イオンの凍結現象がおこる。それ故, Ag_2 O 生成時の充電 過電圧は充電の進行とともに指数函数的に増大する結果を示した。一方, AgO は Ag_2 O 程これらイオンの拡散は困難でなく, Ag_2 O 生成時の電極電位が AgOの 生成電位に達して後は Ag_2 U は AgO に低過電圧で変化し、Ag は Ag_2 U を経 て容易に AgO に変化する。この領域においては Ag_2 U は AgO に直接変化し, 中間生成物は生成しない。第3の充電調域に入ると、充電電流の一部は Ag の酸化反応 に使われるが、この領域で AgO よりも高級酸化物が出来るかどうかは十分確認されな かつた。

過酸化銀電極および酸化銀電極の放電反応は、電極面より電解液中への O^{2-} の逸散に よつて進行する。過酸化銀電極の場合は放電においては $Ag_2 O$ を経て Ag に還元さ れるので、その定電流放電曲線は2段階の曲線を示し、第1の領域では AgO は $Ag_2 O$ に第2の領域では $Ag_2 O$ は Ag に還元される。第1の領域では $Ag_2 O$ が生成し、 $Ag_2 O$ 中での電子伝導が困難であるため、放電時に高い過電圧を示す。従って、放電の 進行とともに過電圧は指数函数的に増大し、Ag の生成電位まで電極電位が降下し、第2 の領域に入る。第2の領域では、Ag が生成するため、活物質内でのオーム抵抗による電 位の降下は確認されず、放電曲線は平滑な曲線を示した。また、この領域では Ag と Ag O が反応して $Ag_2 O$ になる反応が確認され、平衡電位はこの Ag, $Ag_2 O$ お よび AgO の量の割合によつて決定されることを示した。

これらの結果より、銀・過酸化銀系電極の充放電反応において、充放電時の過電圧を小 さくし、しかも利用率を向上させるためには、Ag 、 Ag₂ () および Ag () 中での Ag⁺、 Ag²⁺ および ()²⁻ の拡散抵抗を減少させる必要があることがわかった。従って Ag、 Ag₂ () および Ag () 中での格子欠陥が大となるようにすればよい。そのために は、半導体の原子価制御の理論より、P型の半導性を示す Ag₂ ()、Ag () 中に Ag⁺、 Ag²⁺ よりも高原子価のイオンを少量加えてやるとよい。有効な添加剤として充電時に 4価の状態で存在すると考えられる鉛および錫をあげることができ、実験結果よりこの点 を立証した。また、銀・過酸化銀系電極の充放電反応に対して、Ag₂ () の Ag () への 変化速度を促進させる金および銅は有効な添加剤であるが、酸素過電圧を低下させるテル ルおよびアンチモンは愚作用を示す添加剤であることを確認した。

以上の研究結果より、本研究において採用した研究方法は電池活物質の充放電反応を研 究するための極めて有効な方法であることがわかつた。また、電池活物質の反応は固体内 でのイオン反応であるという共通点があり、この点より、理論的にその反応を解明するた めに、水溶液電解における理論大系を固体内の反応に適用することができることがわかつ た。固体内でのイオン反応であるという共通の立場に立つこの電池反応も、活物質のちが いにより、その個々の反応の様子は異なることがわかった。従つて、個々の活物質に対し て、その充放電機構を解明しなければならない。この充放電機構の解明は電池性能向上の ための有力な資料を与えるものであり、電池製作上極めて重要な問題であることがわかつ た。

最後に、この小著が、電池研究者の研究のための有効な資料となり、性能のよい電池製作,ひいては電池工業発展の一助にでも役立てば著者の選外の喜びである。

本研究は著者が昭和32年4月京都大学大学院工学研究科博士課程に進学以来,指導教 授である吉沢四郎先生の終始御懇切なる御指導により遂行されたものである。また,その 間,京都大学名誉教授岡田辰三先生,京都大学教授购三郎先生,京都大学功教授日根欠男 先生にも種々御激励,御教示を賜わつた。と、に附記して梁甚の謝意を表する次第である。

(昭和36年11月 記す)

